



سیستم مدیریت ایزو
www.isomanagement.ir

تماس تلفنی جهت دریافت مشاوره:

۱. مشاور دفتر تهران (آقای محسن ممیز)

☎ ۰۹۱۲ ۹۶۳ ۹۳۳۶

۲. مشاور دفتر اصفهان (سرکار خانم لیلا ممیز)

☎ ۰۹۱۳ ۳۲۲ ۸۲۵۹

مجموعه سیستم مدیریت ایزو با هدف بهبود مستمر عملکرد خود و افزایش رضایت مشتریان سعی بر آن داشته، کلیه استانداردهای ملی و بین المللی را در فضای مجازی نشر داده و اطلاع رسانی کند، که تمام مردم ایران از حقوق اولیه شهروندی خود آگاهی لازم را کسب نمایند و از طرف دیگر کلیه مراکز و کارخانه جات بتوانند به راحتی به استانداردهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

این موسسه اعلام می دارد در کلیه گرایشهای سیستم های بین المللی ISO پیشگام بوده و کلیه مشاوره های ایزو به صورت رایگان و صدور گواهینامه ها تحت اعتبارات بین المللی سازمان جهانی IAF و تامین صلاحیت ایران می باشد.

هم اکنون سیستم خود را با معیارهای جهانی سازگار کنید...





جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱-۱۵۴۵۳

چاپ اول

۱۳۹۷



دارای محتوای رنگی

INSO
15453-1
1st Edition

2018

Modification of
ETSI EN
300341-1: 2000

سازگاری الکترومغناطیسی
و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -
خدمات سیار زمینی (RP 02) -
تجهیزات رادیویی که از یک آنتن یکپارچه برای
ارسال سیگنال‌ها به منظور ایجاد پاسخی مشخص
در گیرنده استفاده می‌کنند -
قسمت ۱: مشخصه‌های فنی و
روش‌های اندازه‌گیری

**Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM)-
Land Mobile service (RP 02)-
Radio equipment using an integral
antenna transmitting signals to initiate
a specific response in the receiver-
Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement**

ICS: 33.100

استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۵۴۵۳ (چاپ اول): سال ۱۳۹۷

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ تهران-ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج-ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۸۱۱۴-۳۲۸۰ (۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave. South western corner of Vanak Sq. Tehran. Iran

P. O. Box: 14155-6139. Tehran. Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080. 88887103

Standard Square. Karaj. Iran

P.O. Box: 31585-163. Karaj. Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ فقط مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان فقط رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی‌شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) - خدمات سیار زمینی (RP 02) -
تجهیزات رادیویی که از یک آنتن یکپارچه برای ارسال سیگنال‌ها به منظور ایجاد پاسخی مشخص
در گیرنده استفاده می‌کنند - قسمت ۱: مشخصه‌های فنی و روش‌های اندازه‌گیری»

رئیس:

جمشید نژاد، گرشاسب
(کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)
مدیرکل استاندارد و تأیید نمونه - سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی

دبیر:

سخایی، علی‌اکبر
(کارشناسی مهندسی برق - مخابرات)
سرپرست آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی - شرکت
آزمایشگاه‌های صنایع انرژی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

جمشیدی، سامان
(کارشناسی مهندسی برق - مخابرات)
مدیر گواهی محصول - شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی

حسن‌زاده، نادیا
(کارشناسی فیزیک)
رئیس اداره آزمایشگاه - اداره کل استاندارد استان البرز

دوستی، مژگان
(کارشناسی مهندسی برق - کنترل)
کارشناس فنی - شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی

راشد محصل، جلیل
(دکتری مهندسی مخابرات - میدان)
عضو هیئت‌علمی - دانشگاه تهران

زندباف، عباس
(کارشناسی مهندسی برق - مخابرات)
کارشناس مسئول - شرکت ارتباطات زیرساخت

فریرزیان تهرانی، حسام
(کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار)
کارشناس گروه تدوین استانداردها - سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

عضو مستقل	فولادی، رجا (کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات - سیستم)
سرپرست گروه تدوین استانداردها - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	عروجی، سید مهدی (کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)
عضو مستقل - بازنشسته شرکت مخابرات ایران	محسن زاده، علی اکبر (کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات - میدان)
مدیرعامل - شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی	میرصدری، سید محسن (کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل)
مدیر فنی آزمایشگاه - شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی	میرفلاح، سیده مهسان (کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک)
کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی - سازمان ملی استاندارد ایران	نوله‌دان، نوید (کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات - میدان)
مشاور فنی - شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی	هاشمی دزکی، حامد (دکتری مهندسی برق - قدرت)
رئیس گروه برق و الکترونیک - سازمان ملی استاندارد ایران	یوسف‌زاده فعال دقتی، بهاره (کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک)

ویراستار:

کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی - سازمان ملی استاندارد ایران	رثائی، حامد (کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت)
--	--

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ل	پیش‌گفتار
م	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۳	۲ مراجع الزامی
۵	۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۵	۱-۳ اصطلاحات و تعاریف
۹	۲-۳ نمادها
۹	۳-۳ کوتاه‌نوشت‌ها
۱۰	۴ کلیات
۱۰	۱-۴ ارائه‌ی تجهیزات برای اهداف آزمون
۱۱	۲-۴ طراحی مکانیکی و الکتریکی
۱۱	۱-۲-۴ کلیات
۱۱	۲-۲-۴ واپایش‌ها
۱۱	۳-۲-۴ امکان خاموش کردن فرستنده
۱۱	۴-۲-۴ علامت‌گذاری
۱۱	۳-۴ تفسیر نتایج اندازه‌گیری
۱۱	۵ مشخصات فنی
۱۱	۱-۵ حدود پارامتر فرستنده
۱۱	۱-۱-۵ خطای بسامد
۱۳	۲-۱-۵ توان تابشی موثر
۱۳	۱-۲-۱-۵ توان تابشی موثر تحت شرایط آزمون عادی
۱۴	۲-۲-۱-۵ توان تابشی موثر تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه
۱۴	۳-۱-۵ توان کانال مجاور
۱۴	۴-۱-۵ گسیل‌های زائد فرستنده
۱۵	۵-۱-۵ رفتار بسامدی گذرای فرستنده
۱۵	۲-۵ حدود پارامتر گیرنده
۱۵	۱-۲-۵ حساسیت قابل استفاده‌ی متوسط (شدت میدان)
۱۷	۲-۲-۵ رد هم-کانال

صفحه	عنوان
۱۷	انتخاب کانال مجاور ۳-۲-۵
۱۸	رد پاسخ زائد ۴-۲-۵
۱۸	رد پاسخ مدوله سازی متقابل ۵-۲-۵
۱۸	مسدودسازی یا حساسیت زدایی ۶-۲-۵
۱۹	تابش های زائد گیرنده ۷-۲-۵
۱۹	شرایط آزمون، منابع توان و دماهای محیطی ۶
۱۹	شرایط آزمون عادی و سخت گیرانه ۱-۶
۱۹	منبع تغذیه آزمون ۲-۶
۲۰	شرایط آزمون عادی ۳-۶
۲۰	رطوبت و دمای عادی ۱-۳-۶
۲۰	منبع تغذیه آزمون عادی ۲-۳-۶
۲۰	ولتاژ برق شهری ۱-۲-۳-۶
۲۰	منابع تغذیه باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه ۲-۲-۳-۶
۲۰	سایر منابع تغذیه ۳-۲-۳-۶
۲۱	شرایط آزمون سخت گیرانه ۴-۶
۲۱	دماهای سخت گیرانه ۱-۴-۶
۲۱	ولتاژهای منبع تغذیه آزمون سخت گیرانه ۲-۴-۶
۲۱	ولتاژ برق شهر ۱-۲-۴-۶
۲۱	منابع توان باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه ۲-۲-۴-۶
۲۱	منابع توان با استفاده از انواع دیگر باتری ها ۳-۲-۴-۶
۲۲	سایر منابع تغذیه ۴-۲-۴-۶
۲۲	رویه آزمون ها در دماهای سخت گیرانه ۵-۶
۲۲	رویه برای تجهیزات طراحی شده برای عملیات پیوسته ۱-۵-۶
۲۳	رویه برای تجهیزات طراحی شده برای عملیات ناپیوسته ۲-۵-۶
۲۳	شرایط کلی ۷
۲۳	سیگنال های آزمون عادی، شرایط آزمون عادی و سیگنال های ناخواسته ی آزمون عادی ۱-۷

صفحه	عنوان
۲۴	۲-۷ آنتن مصنوعی
۲۴	۳-۷ مکان‌ها و چیدمان کلی آزمون برای اندازه‌گیری‌های تابشی
۲۴	۴-۷ امکانات خاموش شدن خودکار فرستنده
۲۴	۵-۷ حالت‌های عملیاتی فرستنده
۲۴	۶-۷ چیدمان برای سیگنال‌های آزمون در ورودی گیرنده از طریق امکانات ماندافزار آزمون یا یک آنتن آزمون
۲۵	۷-۷ امکانات خفه‌سازی یا قطع صدای گیرنده
۲۵	۸-۷ کدگذار برای اندازه‌گیری‌های گیرنده
۲۵	۹-۷ امکانات برای دسترسی بین خروجی و امپدول‌ساز گیرنده و کدگشای آن
۲۶	۱۰-۷ نشانگر تماس
۲۶	۱۱-۷ بازنشانی
۲۶	۱۲-۷ زمان بازنشانی
۲۶	۸ روش اندازه‌گیری برای پارامترهای فرستنده
۲۶	۱-۸ خطای بسامد
۲۷	۱-۱-۸ تعریف
۲۷	۲-۱-۸ روش اندازه‌گیری
۲۷	۲-۸ توان تابشی موثر
۲۸	۱-۲-۸ تعریف
۲۸	۲-۲-۸ روش اندازه‌گیری
۲۸	۱-۲-۲-۸ بیشینه توان تابشی موثر تحت شرایط آزمون عادی
۳۱	۲-۲-۲-۸ توان تابشی موثر متوسط تحت شرایط آزمون عادی
۳۱	۳-۲-۸ روش اندازه‌گیری توان تابشی مؤثر بیشینه و متوسط تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه
۳۲	۳-۸ توان کانال مجاور
۳۲	۱-۳-۸ تعریف
۳۲	۲-۳-۸ روش اندازه‌گیری
۳۳	۴-۸ گسیل‌های زائد تابشی
۳۴	۱-۴-۸ تعریف
۳۴	۲-۴-۸ روش اندازه‌گیری
۳۷	۵-۸ رفتار بسامدی گذرای فرستنده

صفحه	عنوان
۳۷	۱-۵-۸ تعریف
۳۸	۲-۵-۸ روش اندازه‌گیری
۴۲	۹ روش اندازه‌گیری پارامترهای گیرنده
۴۲	۱-۹ حساسیت قابل‌استفاده‌ی متوسط (شدت میدان، پاسخ‌ها)
۴۲	۱-۱-۹ تعریف
۴۲	۲-۱-۹ روش اندازه‌گیری تحت شرایط آزمون عادی
۴۵	۳-۱-۹ روش اندازه‌گیری حساسیت‌های قابل‌استفاده‌ی متوسط تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه
۴۵	۴-۱-۹ مراجع برای اندازه‌گیری‌های اختلال
۴۵	۱-۴-۱-۹ تعریف
۴۶	۲-۴-۱-۹ رویه‌های اندازه‌گیری یا استفاده از ماندافزار آزمون
۴۶	۳-۴-۱-۹ رویه‌های اندازه‌گیری یا استفاده از محل آزمون
۴۷	۲-۹ رد هم-کانال مشترک
۴۷	۱-۲-۹ تعریف
۴۷	۲-۲-۹ روش اندازه‌یگیری
۴۹	۳-۹ انتخاب کانال مجاور
۴۹	۱-۳-۹ تعریف
۴۹	۲-۳-۹ روش اندازه‌گیری
۵۱	۴-۹ رد پاسخ زائد
۵۱	۱-۴-۹ تعریف
۵۱	۲-۴-۹ معرفی روش اندازه‌گیری
۵۳	۳-۴-۹ چیدمان اندازه‌گیری
۵۴	۴-۴-۹ روش جستجو
۵۵	۵-۴-۹ روش اندازه‌گیری
۵۷	۵-۹ رد پاسخ مدوله‌سازی متقابل
۷۵	۱-۵-۹ تعریف
۵۷	۲-۵-۹ روش اندازه‌گیری
۵۹	۶-۹ مسدودسازی یا حساسیت‌زدایی
۵۹	۱-۶-۹ تعریف
۶۰	۲-۶-۹ روش اندازه‌گیری

صفحه	عنوان
۶۲	۷-۹ تابش‌های زائد گیرنده
۶۲	۱-۷-۹ تعریف
۶۳	۲-۷-۹ روش اندازه‌گیری
۶۵	۱۰ عدم قطعیت اندازه‌گیری
۶۷	پیوست الف (الزامی) اندازه‌گیری تابشی
۶۷	الف-۱ محل‌های آزمون و چیدمان کلی برای اندازه‌گیری‌های شامل استفاده از میدان‌های تابشی
۶۷	الف-۱-۱ اتاقک بی‌پژواک
۶۹	الف-۱-۲ اتاقک بی‌پژواک یا صفحه زمین رسانا
۷۱	الف-۱-۳ محل آزمون فضای باز (OATS)
۷۳	الف-۱-۴ آنتن آزمون
۷۳	الف-۱-۵ آنتن جانشین
۷۴	الف-۱-۶ آنتن اندازه‌گیری
۷۴	الف-۱-۷ چیدمان خط نواری
۷۴	الف-۱-۷-۱ کلیات
۷۴	الف-۱-۷-۲ توصیف
۷۵	الف-۱-۷-۳ کالیبراسیون
۷۵	الف-۱-۷-۴ حالت استفاده
۷۵	الف-۲ راهنمای استفاده از محل‌های آزمون گسیل‌های تابشی
۷۵	الف-۲-۱ صحت‌سنجی محل آزمون
۷۶	الف-۲-۲ آماده‌سازی EUT
۷۶	الف-۲-۳ منابع تغذیه برای EUT
۷۶	الف-۲-۴ تنظیمات واپایش حجم صدا برای آزمون‌های گفتار قیاسی
۷۶	الف-۲-۵ طول گستره (برد)
۷۷	الف-۲-۶ آماده‌سازی محل آزمون
۷۸	الف-۳ جفت‌شدگی سیگنال‌ها
۷۸	الف-۳-۱ کلیات
۷۸	الف-۳-۲ سیگنال‌های داده
۷۹	الف-۳-۳ سیگنال‌های گفتار و قیاسی
۷۹	الف-۳-۳-۱ توصیف جفتگر آکوستیک

صفحه	عنوان
۸۰	الف-۳-۳-۲ کالیبراسیون
۸۰	الف-۴ موقعیت آزمون استاندارد
۸۱	الف-۵ ماندافزار آزمون
۸۱	الف-۵-۱ توصیف
۸۲	الف-۵-۲ کالیبره کردن
۸۳	الف-۵-۳ حالت استفاده
۸۴	پیوست ب (الزامی) مشخصات برای چیدمان‌های اندازه‌گیری توان کانال مجاور
۸۴	ب-۱ مشخصات گیرنده اندازه‌گیری توان
۸۴	ب-۱-۱ کلیات
۸۴	ب-۱-۲ پالایه IF
۸۶	ب-۱-۳ نوسان ساز و تقویت کننده
۸۶	ب-۱-۴ نشانگر تضعیف
۸۷	ب-۱-۵ نشانگر سطح rms
۸۷	ب-۱-۵-۱ نشانگر سطح rms
۸۷	ب-۱-۵-۲ نشانگر سطح اوج
۸۸	پیوست پ (الزامی) آزمون‌های روی یک نمونه‌ی تکی
۸۸	پ-۱ آزمون‌های روی یک نمونه‌ی تکی
۸۹	پ-۲ آزمون‌ها و نمونه‌هایی که در زمانی که گستره سودهی زیرمجموعه‌ای از گستره هم‌ترازی است، موردنیاز هستند
۹۰	پ-۳ آزمون‌ها و نمونه‌هایی برای خانواده‌ای از تجهیزات که گستره هم‌ترازی زیر مجموعه‌ای از گستره بسامد کاری کلی است
۹۱	پ-۳-۱ فرانامه آزمون ۱
۹۱	پ-۳-۲ فرانامه آزمون ۲
۹۳	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع
۹۴	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) - خدمات سیار زمینی (RP 02) - تجهیزات رادیویی که از یک آنتن یکپارچه برای ارسال سیگنال‌ها به منظور ایجاد پاسخی مشخص در گیرنده استفاده می‌کنند - قسمت ۱: مشخصه‌های فنی و روش‌های اندازه‌گیری» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره‌شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در دویست و هشتاد و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد منطقه‌ای زیر به روش «ترجمه تغییر یافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

ETSI EN 300341-1 V1.3.1: (2000-12), Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

مقدمه

این استاندارد به منظور مشخص کردن کمینه عملکرد و روش‌های اندازه‌گیری تجهیزات رادیویی برای استفاده در خدمات سیار زمینی^۱، همان‌طور که در هدف و دامنه‌ی کاربرد مشخص شده است، تهیه شده است.

بند ۵، محدودیت‌های مربوط را ارائه می‌دهد. این محدودیت‌ها برای اطمینان حاصل کردن از سطح قابل قبولی از خدمات و همچنین برای کمینه کردن تداخل مخرب با خدمات و تجهیزات دیگر، انتخاب شده‌اند. این محدودیت‌ها بر پایه‌ی تفسیر نتایج اندازه‌گیری توصیف‌شده در زیربند ۴-۳ هستند.

روش‌های اندازه‌گیری، در صورت امکان، برگرفته از گزارش فنی TR 100 027 (زیربند 4-2) هستند.

جداسازی‌های کانال، بیشینه توان تشعشع‌یافته‌ی مؤثر فرستنده، نوع و مشخصات مدوله‌سازی و وجود امکانات خاموش‌سازی^۲ فرستنده‌ی خودکار می‌توانند شرایطی باشند که برای صدور مجوز توسط مدیریت مناسب، موردنیاز هستند.

این استاندارد، به‌طور خاص، می‌تواند توسط آزمایشگاه‌های آزمون معتبر برای ارزیابی عملکرد تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. در این مورد، عملکرد تجهیزات ارسال شده برای آزمون باید نمایشگر عملکرد مدل تولیدی مربوط باشد. جهت جلوگیری از هرگونه ابهام در ارزیابی، این استاندارد شامل دستورالعمل‌هایی برای ارائه‌ی تجهیزات به‌منظور اهداف آزمون (بند ۴)، شرایط آزمون (بند ۶) و روش‌های اندازه‌گیری (بندهای ۸ و ۹) است.

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۵۴۵۳ است.

سایر قسمت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

- ETSI EN 300 341 V2.1.1 (2016-03), Land Mobile Service; Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۵۴۵۳: سال ۱۳۹۷، سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-خدمات سیار زمینی (RP 02)-تجهیزات رادیویی که از یک آنتن یکپارچه برای ارسال سیگنال‌ها به‌منظور ایجاد پاسخی مشخص در گیرنده استفاده می‌کنند-

قسمت ۲: استانداردهای EN هماهنگ‌شده تحت ماده 3.2 از دستورالعمل R&TTE

1- Land Mobile Service

2- Shut-off

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) - خدمات سیار زمینی (RP 02) - تجهیزات رادیویی که از یک آنتن یکپارچه برای ارسال سیگنال‌ها به منظور ایجاد پاسخی مشخص در گیرنده استفاده می‌کنند - قسمت ۱: مشخصات فنی و روش‌های اندازه‌گیری

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمینه مشخصه‌هایی است که به منظور دستیابی به بهترین حالت استفاده از بسامدهای موجود ضروری در نظر گرفته شده است. این استاندارد لزوماً شامل تمامی مشخصه‌هایی که ممکن است توسط یک کاربر مورد نیاز باشد، نمی‌شود و همچنین لزوماً عملکرد قابل دستیابی بهینه را ارائه نمی‌دهد.

این استاندارد برای تجهیزات غیرگفتاری^۱ و همچنین قسمت غیرگفتاری مربوط به تجهیزات ترکیبی به صورت گفتاری/غیرگفتاری با آنتن یکپارچه^۲ به کار برده می‌شود که در سامانه‌های مدوله‌سازی زاویه‌ای با پوش ثابت^۳ در خدمات سیار زمینی به کار می‌رود که روی بسامدهای رادیویی ۳۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz، با جداسازی‌های کانال ۱۲٫۵ kHz، ۲۰ kHz و ۲۵ kHz کار می‌کنند.

در این استاندارد، تجهیزات رادیویی غیرگفتاری، به عنوان تجهیزات رادیویی تعریف می‌شود که یک سیگنال را برای ایجاد پاسخی مشخص در گیرنده ارسال می‌کند. این تجهیزات شامل یک فرستنده و کدگذار مربوط به آن و/یا یک گیرنده به همراه کدگشای مربوط به آن است. کدگذار و/یا کدگشا ممکن است یک قطعه جداگانه از تجهیزات باشد، در این صورت این استاندارد، ترکیبی از تجهیزات کدگذار و/یا کدگشا و فرستنده و/یا گیرنده را پوشش می‌دهد.

در این استاندارد، الزامات مختلفی برای استفاده در باندهای بسامدی رادیویی مختلف، جداسازی‌های کانال متفاوت و شرایط محیطی و نوع تجهیزات مختلف، در صورتی که مناسب باشد، ارائه شده است.

آن نوع از تجهیزاتی که توسط این استاندارد پوشش داده می‌شود، ایستگاه‌های قابل حمل دستی با آنتن یکپارچه هستند.

این استاندارد، مکمل استاندارد EN 300 219-1 (زیربند 1-2) است که تجهیزات رادیویی با یک اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی ارسال کننده سیگنال برای ایجاد یک پاسخی مشخص در گیرنده،

1- Non-speech
2- Integral antennas

۳ - این تعریف و سایر تعاریف در زیربند ۳-۱ آمده است.

برای استفاده در خدمات سیار زمینی را پوشش می‌دهد. در ابتدا، این استاندارد برای کاربردهای همه‌جهته^۱ تهیه شده است.

برای تجهیزات ترکیبی گفتاری/غیرگفتاری، این استاندارد، مکملی برای استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 2-7) است که تجهیزات رادیویی که از آنتن یکپارچه استفاده می‌کنند، برای استفاده در خدمات سیار زمینی به منظور کاربرد برای گفتار قیاسی^۲ در درجه‌ی اول را پوشش می‌دهد.

تجهیزات رادیویی برای داده، توسط استانداردهای EN 300 113-1 (زیربند 2-3) و EN 300 390-1 (زیربند 2-8) پوشش داده می‌شود.

الزاماتی که باید توسط تجهیزات طراحی شده برای برآورده کردن الزامات ENهای مختلف تکمیل شوند، در بند ۴ قابل دسترسی هستند.

با توجه به اینکه مقررات و ضوابط استفاده از باند فرکانسی و سرویس‌های رادیویی در کشور بر اساس جدول ملی فرکانسی تعیین می‌شود که توسط رگولاتوری کشور تهیه شده است در مورد مقررات طیف رادیویی و باندهای فرکانسی این مجموعه استانداردها، نیز باید به مقررات و ضوابط استفاده از طیف رادیویی، مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir به عنوان مرجع مرتبط مراجعه کرد. پیش‌نویس این استاندارد در کمیسیون فنی مربوط، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی، تهیه و تدوین شده است

1- Omnidirectional
2- Analogue

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 ETSI EN 300 219 (V1.2): "Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver".
 - 2-2 ETSI EN 300 086 (V1.2): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and test conditions".
 - 2-3 ETSI EN 300 113 (V1.3): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement".
 - 2-4 ETSI TR 100 027: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Methods of measurement for private mobile radio equipment".
 - 2-5 ETSI TR 100 028: "Radio Equipment and Systems (RES); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".
 - 2-6 ITU-T Recommendation O.41: "Psophometer for use on telephone-type circuits".
ETSI EN 300 296-1 (V1.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement".
- یادآوری** - استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۵۴۸۱: سال ۱۳۹۷، سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) - خدمات سیار زمینی - تجهیزات رادیویی با آنتن های یکپارچه عمدتاً برای گفتار قیاسی (آنالوگ) - قسمت ۲: مشخصات فنی و روش‌های اندازه‌گیری، با استفاده از استاندارد 2013: ETSI EN 300 291-1: (V.1.4.1) تدوین شده است.
- 2-7 ETSI EN 300 390-1 (V1.2): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 1: Technical characteristics and test conditions".
 - 2-8 ETSI EN 300 793 (V1.1): "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Presentation of equipment for type testing".

- 2-9 ETSI ETR 273: "Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM): Improvement of radiated methods of measurement (using test sites) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties".
- 2-10 ANSI C63.5 (1988): "Electromagnetic Compatibility-Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control - Calibration of Antennas".
- 2-11 Council Directive of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations (98/34/EC).
- 2-12 IEC Publication 489-3 Second edition (1988): "Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions". Appendix F pages 130 to 133.

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۱-۳

مدوله‌سازی زاویه

angle modulation

مدوله‌سازی فاز (G3) یا مدوله‌سازی بسامد (F3) است.

۲-۱-۳

بار بسامد صوتی

audio frequency load

معمولاً مقاومتی با میزان توان نسبی کافی به منظور تحمل بیشینه توان صدای خروجی از تجهیزات تحت آزمون می‌باشد. مقدار مقاومت برابر است با مقداری که توسط سازنده بیان شده و برابر امپدانس ترنسدیوسر^۱ صدا در ۱۰۰۰ Hz است. ممکن است در برخی موارد، لازم باشد که یک مبدل جداساز^۲ بین پایانه‌های خروجی گیرنده‌ی تحت آزمون و بار قرار داده شود.

1- Transducer

2- Isolating transformer

۳-۱-۳

پایانگاه بسامد صوتی

audio frequency termination

هر اتصالی به غیر از بار بسامد صوتی که ممکن است به منظور انجام آزمون گیرنده مورد نیاز باشد. افزاره‌ی پایان‌دهی مورد توافق بین سازنده و مسئول آزمون بوده و جزئیات آن در گزارش آزمون موجود است. اگر تجهیزات ویژه‌ای موردنیاز باشد، باید توسط سازنده فراهم شود.

۴-۱-۳

پالایه میان‌نگذر (برای SINAD سنج)

Band-stop filter (for the SINAD meter)

مشخصه‌های پالایه میان‌نگذر استفاده‌شده در ضریب اعوجاج‌سنج صدا و SINAD سنج به‌گونه‌ای هستند که در خروجی، آهنگ ۱۰۰۰ Hz به‌اندازه‌ی دست‌کم ۴۰ dB تضعیف‌شده و در ۲۰۰۰ Hz، تضعیف از میزان ۰٫۶ dB تجاوز نخواهد کرد. مشخصه‌های پالایه به‌اندازه‌ی ۰٫۶ dB، مسطح بر بستر گستره‌های بسامدی ۲۰ Hz تا ۵۰ Hz و ۲۰۰۰ Hz تا ۴۰۰۰ Hz است. بهتر است در نبود مدوله‌سازی، پالایه بیشتر از ۱ dB، توان نوفه‌ی^۱ کل خروجی بسامد صدای مربوط به گیرنده‌ی تحت آزمون را تضعیف نماید.

۵-۱-۳

آنتن یکپارچه

integral antenna

آنتنی که برای اتصال به تجهیزات، بدون استفاده از اتصال‌دهنده‌ی خارجی 50Ω طراحی‌شده و به‌عنوان قسمتی از تجهیزات در نظر گرفته می‌شود. یک آنتن یکپارچه می‌تواند به‌صورت داخلی یا خارجی در تجهیزات استفاده شود.

۶-۱-۳

شبکه‌ی وزنی زوفومتربیک

psophometric weighting network

در توصیه‌نامه ITU-T Rec. O.41 (زیربند 2-6) تشریح شده است.

۷-۱-۳

انواع اندازه‌گیری

type of measurement

۱-۷-۱-۳

اندازه‌گیری‌های هدایتی

conducted measurements

اندازه‌گیری‌هایی که با استفاده از یک اتصال مستقیم به تجهیزات تحت آزمون انجام می‌شود.

۲-۷-۱-۳

اندازه‌گیری‌های تابشی

radiated measurements

اندازه‌گیری‌هایی که شامل اندازه‌گیری مطلق یک میدان تابشی است.

۸-۱-۳

انواع ایستگاه

type of station

۱-۸-۱-۳

ایستگاه پایه

base station

تجهیزاتی که با یک سوکت آنتن، برای استفاده به همراه یک آنتن خارجی و به منظور استفاده در یک مکان ثابت، نصب شده‌اند.

۲-۸-۱-۳

ایستگاه‌های قابل حمل دستی

handportable station

تجهیزاتی که همراه یک سوکت آنتن یا یک آنتن یکپارچه، یا هر دو که معمولاً به صورت خوداتکا^۱ مورد استفاده قرار گرفته، توسط یک فرد حمل شده یا در دست قرار می‌گیرند.

1- Stand-alone basis

۳-۸-۱-۳

ایستگاه سیار

mobil station

تجهیزات سیار که به همراه یک سوکت آنتن، برای استفاده به همراه یک آنتن خارجی که معمولاً در یک وسیله‌ی نقلیه یا به‌عنوان یک ایستگاه قابل حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرند، نصب شده‌اند.

۹-۱-۳

انواع آزمون‌ها

type of tests

۱-۹-۱-۳

آزمون‌های کامل

full tests

در تمامی حالات به جز مواردی که با عنوان «محدود» در نظر گرفته می‌شوند، آزمون‌ها طبق این استاندارد انجام می‌شوند.

۲-۹-۱-۳

آزمون‌های محدود:

limited tests

آزمون‌های محدود در زیربند ۴-۱، به صورت زیر هستند:

- حساسیت متوسط قابل استفاده‌ی گیرنده (شدت میدان)، زیربند ۹-۱؛
- انتخاب کانال مجاور گیرنده، زیربند ۹-۳؛
- خطای بسامد فرستنده، زیربند ۸-۱؛
- توان تابشی مؤثر فرستنده، زیربند ۸-۲؛
- توان کانال مجاور فرستنده، زیربند ۸-۳.

۲-۳ نمادها

در این استاندارد، نمادهای زیر به کار می‌رود:

نماد	معادل انگلیسی	معادل فارسی
E _o	Reference field strength	شدت میدان مرجع (به پیوست الف مراجعه شود)
R _o	Reference distance	فاصله‌ی مرجع (به پیوست الف مراجعه شود)
r.m.s	root mean square	ریشه دوم میانگین مربعات

۳-۳ کوتاه‌نوشت‌ها

در این استاندارد، کوتاه‌نوشت‌های زیر به کار می‌رود:

کوتاه‌نوشت	معادل انگلیسی	معادل فارسی
AR1		به زیربند ۴-۱ مراجعه شود
AR2		به زیربند ۴-۱ مراجعه شود
dBc	dB relative to the carrier power	dB مربوط به توان حامل
emf	electro-motive force	نیروی محرک الکتریکی
IF	Intermediate frequency	بسامد میانی
RF	Radio frequency	بسامد رادیویی
Rx	Reciever	گیرنده
SINAD	Signal. Noise And Distortion (to noise and distortion ratio)	سیگنال، نوفه و اعوجاج (نسبت به نوفه و اعوجاج)
Tx	Transmitter	فرستنده
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	نسبت موج ساکن ولتاژ

۴ کلیات

تجهیزاتی که شامل یک اتصال‌دهنده‌ی RF داخلی یا خارجی می‌شوند، می‌توانند با استفاده از این اتصال‌دهنده مطابق با الزامات این استاندارد و/یا استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) یا مطابق با الزامات استاندارد EN 300 086-1 (زیربند 2-2) و/یا استاندارد EN 300 219-1 (زیربند 1-2) مورد آزمون قرار گیرند. در مورد تجهیزات گفتاری/غیرگفتاری، قسمت گفتاری بهتر است مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) مورد آزمون قرار گرفته و همچنین توصیه می‌شود آزمون‌های تشریح‌شده در زیربندهای این استاندارد، انجام شوند:

- زیربند ۸-۳: توان کانال مجاور؛

- زیربند ۹-۱: حساسیت قابل استفاده‌ی متوسط (پاسخ‌ها).

این الزامات همچنین برای تجهیزاتی با امکانات خروجی قیاسی فراهم‌شده فقط برای اهداف آزمون، به کار برده می‌شوند.

زمانی که تجهیزاتی از قبل مطابق با استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) مورد تأیید قرار گرفته‌اند و دوباره طبق این استاندارد برای آزمون فرستاده می‌شود، توصیه می‌شود آزمون‌های موجود در زیربندهای زیر از این استاندارد نیز انجام شوند:

- زیربند ۸-۳: توان کانال مجاور؛

- زیربند ۸-۴: گسیل‌های زائد^۱ تابشی؛

- زیربند ۹-۱: حساسیت قابل استفاده‌ی متوسط (پاسخ‌ها).

۱-۴ ارائه‌ی تجهیزات برای اهداف انجام آزمون

برای اطلاعات مربوط به ارائه‌ی تجهیزات برای اهداف آزمون، به استاندارد EN 300 793 (زیربند 9-2) مراجعه شود.

۲-۴ طراحی مکانیکی و الکتریکی

۱-۲-۴ کلیات

تجهیزات ارسال‌شده برای انجام آزمون توسط سازنده، یا نماینده‌ی آن، باید مطابق با اقدام مهندسی صدا و باهدف کمینه‌سازی تداخل مضر به سایر تجهیزات و خدمات، طراحی، ساختاردهی و تولید شوند.

۲-۲-۴ واپایش‌ها

آن واپایش‌هایی که در صورت تنظیم نادرست، ممکن است ظرفیت‌های بالقوه تداخلی تجهیزات را افزایش دهند، نباید به‌آسانی در دسترس کاربر باشند

۳-۲-۴ امکانات خاموش‌سازی فرستنده

وقتی که زمان‌سنجی برای امکان خاموش‌سازی خودکار در حال کار است، در لحظه اتمام زمان، فرستنده باید به‌طور خودکار خاموش شود. فعال شدن کلید فرستنده باید زمان‌سنج را تنظیم مجدد کند.

امکان خاموش سازی باید برای مدت زمان اندازه‌گیری‌ها در حال کار نباشد، مگر اینکه نیاز باشد برای حفاظت تجهیزات، در حال کار باقی بماند.

۴-۲-۴ نشانه‌گذاری

تجهیزات باید در یک مکان قابل رؤیت، نشانه‌گذاری شوند. این نشانه‌گذاری باید خوانا، ضدضربه و بادوام باشد. نشانه‌گذاری باید مطابق با دستورالعمل‌های EC^۱ و/یا تصمیمات یا توصیه‌های CEPT^۲ به روش مقتضی باشد.

۴-۳ تفسیر نتایج اندازه‌گیری

تفسیر نتایج (به عنوان مثال، نتایج ثبت شده در گزارش آزمون) برای اندازه‌گیری‌های توصیف شده در این استاندارد باید مطابق با زیر باشد:

- مقدار اندازه‌گیری شده‌ی مربوط به حد متناظر، جهت تصمیم‌گیری در مورد اینکه یک تجهیز الزامات این استاندارد را برآورده می‌کند یا خیر، استفاده خواهد شد؛
- مقادیر عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی برای هر اندازه‌گیری، باید برابر با یا کمتر از شکل‌های بند ۱۰ باشد (بیشترین مقدار قابل قبول عدم قطعیت اندازه‌گیری)؛
- عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی مربوط به آزمایشگاهی که اندازه‌گیری‌ها را انجام می‌دهد، برای هر اندازه‌گیری خاص، باید در گزارش آزمون متناظر وارد شود (در صورت وجود).

۵ مشخصه‌های فنی

این بند شامل مقادیر حدود پارامترهای تعریف شده در بندهای ۸ و ۹ است.

۵-۱ حدود پارامتر فرستنده

۵-۱-۱ خطای بسامد

برای تعریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۸-۱ مراجعه شود.

خطای بسامد، در شرایط عادی، سخت‌گیرانه (حدی) یا هر مجموعه میانی از شرایط، نباید از مقادیر داده شده در جدول ۱ بیشتر شود.

بنا به دلایل عملی، همان‌طور که در زیربند ۸-۱ بیان شده است، اندازه‌گیری‌ها باید فقط تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه و عادی انجام شوند.

1- European Commission

2- European Conference of Postal and Telecommunications

جدول ۱- خطای بسامد

حد خطای بسامد (kHz)					جداسازی کانال (kHz)
بالاتر از ۵۰۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz	بالاتر از ۳۰۰ MHz تا ۵۰۰ MHz	بالاتر از ۱۳۷ MHz تا ۳۰۰ MHz	از ۴۷ MHz تا ۱۳۷ MHz	پایین تر از ۴۷ MHz	
±۲,۵ (a)	±۲,۰۰	±۲,۰۰	± ۱,۳۵	±۰,۶۰	۲۵ و ۲۰
مقداری مشخص نشده است	±۱,۵۰ (a)	±۱,۵۰	±۱,۰۰	±۰,۶۰	۱۲,۵
<p>بادآوری- برای ایستگاه‌های قابل حمل دستی که دارای منابع تغذیه داخلی می‌باشند، ارقام ارائه شده در جدول با علامت (a) فقط برای گستره دمایی محدود °C (صفر) تا °C ۴۰+ به کار می‌رود. هرچند برای شرایط دمایی سخت گیرانه کامل (زیربند ۶-۴-۱) که از گستره دمایی محدود فوق فراتر می‌روند، حدود خطای بسامد زیر به کار می‌رود:</p> <p>۵۰۰ MHz و ۳۰۰ MHz بین ±۲,۵۰ kHz ۱۰۰۰ MHz و ۵۰۰ MHz بین ±۳,۰۰ kHz</p>					

۲-۱-۵ توان تابشی مؤثر

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۸-۲ مراجعه شود.

۱-۲-۱-۵ توان تابشی مؤثر تحت شرایط آزمون عادی

توان تابشی مؤثر بیشینه تحت شرایط آزمون عادی باید نسبت به توان تابشی مؤثر بیشینه اسمی کمتر از df اختلاف داشته باشد.

توان تابشی مؤثر متوسط تحت شرایط آزمون عادی باید نسبت به توان تابشی مؤثر متوسط اسمی کمتر از df اختلاف داشته باشد.

رواداشت برای مشخصه‌های تجهیزات (±۱,۵ dB) باید با عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی به‌منظور فراهم کردن df، به صورت‌های زیر ترکیب شود:

$$Df^2 = dm^2 + de^2$$

که در آن:

- dm عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی؛
- de رواداشت تجهیزات است (±۱,۵dB)؛
- df تفاوت نهایی است.

تمامی مقادیر باید به صورت خطی بیان شوند.

در تمامی موارد، عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی باید با بند ۱۰ مطابقت داشته باشد.

بعلاوه، توان تابشی مؤثر بیشینه نباید از مقدار بیشینه‌ی مجاز تعیین شده توسط حاکمیت تجاوز کند.

مثالی برای محاسبه df :

$dm = 6 \text{ dB}$ (مقدار قابل پذیرش، همان گونه که در جدول عدم قطعیت‌های پیشینه نشان داده شده است)؛

$dm = 3/98$ به صورت خطی؛

$de = 1/5 \text{ dB}$ (مقدار ثابت برای تمام تجهیزاتی که الزامات این استاندارد را برآورده می‌کنند)؛

$de = 1/41$ به صورت خطی؛

$$df^2 = [3/98]^2 + [1/41]^2$$

در نتیجه df برابر است با $4/22$ به صورت خطی، یا $6/25 \text{ dB}$.

این محاسبه نشان می‌دهد که در این مورد، df در مقایسه با dm عدم قطعیت اندازه‌گیری واقعی (6 dB)، به اندازه $0/25 \text{ dB}$ بیشتر است.

۵-۱-۲-۲ توان تابشی مؤثر تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه

تغییرات توان به دلیل تغییر دما و ولتاژ برای اندازه‌گیری‌های تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه نباید از $2 \text{ dB} +$ یا $3 \text{ dB} -$ بیشتر شود (اندازه‌گیری‌ها باید با استفاده از ماندافزار آزمون انجام شوند).

۵-۱-۳ توان کانال مجاور

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری به زیربند ۸-۳ مراجعه شود.

برای جداسازی کانال 20 kHz و 25 kHz توان کانال مجاور نباید از مقدار 70 dB پایین‌تر از توان حامل فرستنده تجاوز کند و نیازی ندارد که زیر $0/20 \mu\text{W}$ باشد.

برای جداسازی کانال $12/5 \text{ kHz}$ ، توان کانال مجاور نباید از مقدار 60 dB پایین‌تر از توان حامل فرستنده تجاوز کند و نیازی ندارد که زیر $0/20 \mu\text{W}$ باشد.

در حالتی که تجهیزات توانایی تولید یک حامل مدوله نشده را نداشته باشند، این اندازه‌گیری‌ها باید تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه انجام گیرد. تحت این شرایط آزمون سخت‌گیرانه، توان کانال مجاور اندازه‌گیری شده نباید از مقدار 65 dB پایین‌تر از حامل برای تجهیزاتی با جداسازی‌های کانال 20 kHz و 25 kHz ، 55 dB برای جداسازی‌های کانال $12/5 \text{ kHz}$ تجاوز کند و نیازی ندارد که زیر $0/20 \mu\text{W}$ باشد.

۵-۱-۴ گسیل‌های زائد فرستنده

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۸-۴ مراجعه شود.

توان هر گسیل زائد نباید از مقادیر داده شده در جدول ۲ تجاوز کند.

جدول ۱- گسیل‌های تابشی

بالاتر از ۱ GHz تا ۱۲٫۷۵ GHz	۱ GHz تا ۳۰ MHz	گستره بسامد
۱۰۰ μW (-۳۰ dBm)	۰٫۲۵ μW (-۳۶ dBm)	Tx در حال کار
۲۰ nW (-۴۷ dBm)	۲٫۰ nW (-۵۷ dBm)	Tx آماده به کار

۵-۱-۵ رفتار بسامد گذرای فرستنده

برای تعریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۸-۵ مراجعه شود.

دوره‌های گذرا در جدول ۳ ارائه شده‌اند. یک نمودار از این دوره‌های گذرا برای حالت تجهیزات در حال کار در گستره بسامدی بالای ۳۰۰ MHz تا ۵۰۰ MHz در شکل ۹ در زیربند ۸-۵ نشان داده شده است.

جدول ۲- دوره‌های گذرا

بالاتر از ۵۰۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz	بالاتر از ۳۰۰ MHz تا ۵۰۰ MHz	۳۰۰ MHz تا ۳۰ MHz	
۲۰٫۰	۱۰٫۰	۵٫۰	t1 (ms)
۵۰٫۰	۲۵٫۰	۲۰٫۰	t2 (ms)
۱۰٫۰	۱۰٫۰	۵٫۰	t3 (ms)

در طول دوره‌های t1 و t3، اختلاف بسامد نباید از مقدار یک جداسازی کانال فراتر رود.

در طول دوره‌ی t2، اختلاف بسامد نباید از مقدار نصف یک جداسازی کانال فراتر رود.

در مورد ایستگاه‌های قابل حمل دستی با یک فرستنده با بیشینه توان تابشی مؤثر اسمی کمتر از ۵ W، انحراف بسامدی در طول t1 و t3 می‌تواند از یک کانال بیشتر باشد. منحنی مربوط بسامد برحسب زمان در طول t1 و t3 باید در گزارش آزمون، ثبت شود.

۲-۵ حدود پارامتر گیرنده

۱-۲-۵ حساسیت قابل استفاده متوسط (شدت میدان)

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۹-۱ مراجعه شود.

برای حدود حساسیت قابل استفاده میانگین، چهار رده تجهیزات به صورت‌های زیر تعریف شده‌اند:

رده الف: تجهیزاتی که یک آنتن یکپارچه، کاملاً درون محفظه دارند.

رده ب: تجهیزاتی که یک آنتن یکپارچه جداشدنی یا ثابت، با یک طول آنتن دارند؛ که از ۲۰ cm خارج از محفظه فراتر نمی‌رود،

رده پ: تجهیزاتی که یک آنتن یکپارچه جداشتنی یا ثابت، با یک طول آنتن دارند؛ که از ۲۰ cm خارج از محفظه فراتر می‌رود،

رده ت: تجهیزاتی که توسط رده الف، ب یا پ تحت پوشش قرار نگرفته است.

تحت شرایط آزمون عادی، حساسیت قابل استفاده متوسط نباید از مقادیر شدت میدان زیر فراتر رود.

جدول ۳-الف - حدود حساسیت برای رده‌های الف و ت

حساسیت قابل استفاده میانگین در dB نسبت به $1 \mu V/m$	باند بسامدی (MHz)
۲۷٫۰	۳۰ تا ۴۰۰
۲۸٫۵	< ۴۰۰ تا ۷۵۰
۳۰٫۰	< ۷۵۰ تا ۱۰۰۰

جدول ۴-ب - حدود حساسیت برای رده ب

حساسیت قابل استفاده میانگین بر حسب dB نسبت به $1 \mu V/m$	باند بسامدی (MHz)
۱۸٫۰	۳۰ تا ۱۳۰
۱۹٫۵	< ۱۳۰ تا ۳۰۰
۲۱٫۵	< ۳۰۰ تا ۴۴۰
۲۳٫۵	< ۴۴۰ تا ۶۰۰
۲۵٫۵	< ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۸٫۰	< ۸۰۰ تا ۱۰۰۰

رده پ:

در بسامدهای بزرگ‌تر از ۳۷۵ MHz، حدود باید مطابق با آنچه در جدول ۴-ب مشخص شده باشد.

در مورد بسامدهای کوچکتر مساوی ۳۷۵ MHz، یک ضریب اصلاح K باید از شدت میدان‌های مشخص شده در جدول ۴-ب کم شود.

$$K = 20 \log_{10} [(1 + 20) / 40] -$$

که در آن l قسمت خارجی آنتن بر حسب cm است.

این اصلاح فقط اگر طول آنتن خارج از محفظه کمتر از $(20 - 15000/f_0)$ بر حسب cm باشد به کار می‌رود که f_0 بسامد بر حسب MHz، است (قابل کاربرد برای بسامدهای کمتر از ۳۷۵ MHz).

برای تمام رده‌های تجهیزات، به‌منظور به‌دست‌آوردن تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه ۶ dB به حد تحت شرایط آزمون عادی اضافه شود.

۲-۲-۵ رد هم-کانال

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۲-۹ مراجعه شود.

مقدار نسبت رد هم-کانال^۱، برحسب dB، در هر بسامد سیگنال ناخواسته در بازه‌ی مشخص‌شده، باید بین مقادیر زیر باشد:

- ۸۱۰ dB و ۰ dB (صفر) برای جداسازی‌های کانال ۲۰ kHz و ۲۵ kHz؛
- ۱۲۱۰ dB و ۰ dB (صفر) برای یک جداسازی کانال ۱۲٫۵ kHz.

۳-۲-۵ انتخاب کانال مجاور

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۳-۹ مراجعه شود.

انتخاب کانال مجاور تجهیزات باید به‌گونه‌ای باشد که تحت شرایط آزمون مشخص، برای سطوح سیگنال ناخواسته از اختلالی که در جدول ۵ داده‌شده، فراتر نرود.

جدول ۴- انتخاب کانال مجاور

حد انتخاب کانال مجاور (dBμV/m)				جداسازی کانال (kHz)
بسامدهای ناخواسته < ۶۸ MHz		بسامدهای ناخواسته ≥ ۶۸ MHz		
شرایط آزمون سخت‌گیرانه	شرایط آزمون عادی	شرایط آزمون سخت‌گیرانه	شرایط آزمون عادی	
$20 \log_{10}(f) + 28,3$	$20 \log_{10}(f) + 38,3$	۶۵	۷۵	۲۵ و ۲۰
$20 \log_{10}(f) + 18,3$	$20 \log_{10}(f) + 28,3$	۵۵	۶۵	۱۲٫۵

یادآوری - f بسامد حامل برحسب MHz است.

۴-۲-۵ رد پاسخ زائد

برای تعریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۴-۹ مراجعه شود.

رد پاسخ زائد تجهیزات باید به‌گونه‌ای باشد که تحت شرایط آزمون مشخص‌شده، کاهش ارائه‌شده نباید برای سطوح سیگنال ناخواسته تا حدود زیر باشد:

- ۷۵ dBμV/m برای بسامدهای سیگنال ناخواسته $\geq 68 \text{ MHz}$ ؛

- $20 \log_{10}(f) + 38.3$ dB μ V/m برای بسامدهای سیگنال ناخواسته < 68 MHz که در آن f بسامد بر حسب MHz است.

۵-۲-۵ رد پاسخ مدوله‌سازی متقابل

برای تعریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۹-۵ مراجعه شود.

رد پاسخ مدوله‌سازی متقابل تجهیزاتی که توان پایین نیستند، باید تحت شرایط آزمون مشخص طوری باشد که کاهش عملکردی ارائه‌شده برای سطوح سیگنال ناخواسته تا مقادیر زیر بالا نرود:

- 70 dB μ V/m برای بسامدهای سیگنال ناخواسته ≥ 68 MHz؛

- $20 \log_{10}(f) + 33.3$ dB μ V/m برای بسامدهای سیگنال ناخواسته < 68 MHz که در آن f بسامد بر حسب MHz است.

۵-۲-۶ مسدودسازی یا حساسیت‌زدایی

برای تعریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۹-۶ مراجعه شود.

سطح مسدودسازی، برای هر بسامدی در گستره‌های مشخص، باید به‌قرار زیر باشد:

- 89 dB μ V/m \leq برای بسامدهای سیگنال ناخواسته ≥ 68 MHz؛

- $20 \log_{10}(f) + 52.3$ dB μ V/m \leq برای بسامدهای سیگنال ناخواسته < 68 MHz که در آن f بسامد بر حسب MHz است.

۵-۲-۷ تابش‌های زائد گیرنده

برای تعاریف و روش اندازه‌گیری، به زیربند ۹-۷ مراجعه شود.

توان هر تابش زائد نباید از مقادیر داده‌شده در جدول ۶ تجاوز کند.

جدول ۵-۱ اجزای تابشی

از ۱ GHz تا ۱۲.۷۵ GHz	۱ GHz تا ۳۰ MHz	گستره بسامد
۲۰۱۰ nW (-۴۷.۰ dBm)	۲۱۰ nW (-۵۷.۰ dBm)	حد

۶ شرایط آزمون، منابع توان و دماهای محیط

۶-۱ شرایط آزمون عادی و سخت‌گیرانه

آزمون‌های نوعی باید تحت شرایط آزمون عادی و همچنین درجایی که بیان‌شده، تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه نیز انجام شود.

۲-۶ منبع تغذیه آزمون

حین انجام آزمون‌های نوعی، منبع تغذیه تجهیزات باید توسط یک منبع تغذیه آزمون با قابلیت تولید ولتاژهای آزمون عادی و سخت‌گیرانه، مطابق با آنچه در زیربندهای ۲-۳-۶ و ۲-۴-۶ مشخص شده است، جایگزین شود. امیدانس داخلی منبع تغذیه آزمون باید به اندازه‌ای کم باشد که اثر آن روی نتایج آزمون قابل چشم‌پوشی باشد. برای اهداف آزمون‌ها، ولتاژ منبع تغذیه باید در پایانه‌های ورودی تجهیزات اندازه‌گیری شود.

اگر تجهیزات با یک کابل تغذیه دائماً متصل، فراهم شده باشد، ولتاژ آزمون باید برابر با مقداری باشد که در نقطه‌ی اتصال کابل توان به تجهیزات، اندازه‌گیری می‌شود.

برای تجهیزاتی که با باتری کار می‌کنند، باتری باید برداشته‌شده و منبع تغذیه آزمون تا جایی که عملی است، به نزدیکی پایانه‌های باتری اعمال شود.

در طول آزمون‌ها، ولتاژهای منبع تغذیه باید در رواداری^۱ کمتر از $\pm 1\%$ نسبت به ولتاژ در شروع هر آزمون نگه داشته شود. مقدار این رواداری برای اندازه‌گیری‌های توان حیاتی است، استفاده از محدوده‌ی رواداری کوچک‌تر، مقادیر عدم قطعیت اندازه‌گیری بهتری را فراهم می‌آورد.

۳-۶ شرایط آزمون عادی

۱-۳-۶ رطوبت و دمای عادی

شرایط دما و رطوبت عادی برای آزمون‌ها باید هر ترکیب مناسبی از دما و رطوبت در گستره‌های زیر باشد:

- دما: $+15^{\circ}\text{C}$ تا $+35^{\circ}\text{C}$ ؛

- رطوبت نسبی: 20% تا 75% .

زمانی که انجام آزمون‌ها تحت این شرایط عملی نیست مقادیر دما و رطوبت نسبی در حین آزمون‌ها باید در گزارش آزمون درج شود.

۲-۳-۶ منبع تغذیه آزمون عادی

۱-۲-۳-۶ ولتاژ برق شهری

ولتاژ آزمون عادی برای تجهیزاتی که به برق شهر متصل می‌شوند باید ولتاژ نامی شبکه باشد. در این استاندارد، ولتاژ نامی باید ولتاژ اعلام‌شده یا هر ولتاژی باشد که تجهیزات برای آن طراحی شده است.

بسامد منبع تغذیه آزمون مربوط با برق ac باید بین ۴۹ Hz و ۵۱ Hz باشد

۲-۲-۳-۶ منابع تغذیه باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه

زمانی که تجهیزات رادیویی برای بهره‌برداری از انواع معمول منبع تغذیه باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه، در نظر گرفته شده باشند، ولتاژ آزمون عادی باید ۱٫۱ برابر ولتاژ نامی باتری باشد. (برای ولتاژهای نامی ۶ V و ۱۲ V، ولتاژ آزمون عادی به ترتیب ۶٫۶ V و ۱۳٫۲ V هستند)

۳-۲-۳-۶ سایر منابع تغذیه

برای بهره‌برداری از سایر منابع تغذیه یا انواع باتری (اولیه یا ثانویه)، ولتاژ آزمون عادی باید مقداری باشد که توسط سازنده تجهیزات اعلام شده است.

۴-۶ شرایط آزمون سخت‌گیرانه

۱-۴-۶ دماهای سخت‌گیرانه

برای آزمون‌های در دماهای سخت‌گیرانه، اندازه‌گیری‌ها باید مطابق با رویه‌های مشخص شده در زیربند ۵-۶، در دماهای بالاتر و پایین‌تر بازه‌ای که در ادامه آمده است، انجام شوند:

- ۲۰ °C تا ۵۵ °C +

برای اهداف زیربند ۵-۱-۱ (الف)، گستره دمایی سخت‌گیرانه اضافی ۰ °C (صفر) تا ۳۰ °C + باید مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش‌های آزمون نوعی باید گستره دمایی استفاده شده را بیان کنند.

۲-۴-۶ ولتاژهای منبع تغذیه آزمون سخت‌گیرانه

۱-۲-۴-۶ ولتاژ برق شهری

ولتاژ آزمون سخت‌گیرانه برای تجهیزاتی که به برق ac متصل می‌شوند، باید $\pm 10\%$ ولتاژ نامی برق شهر باشد.

۲-۲-۴-۶ منابع توان باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه

وقتی تجهیزات برای کار از انواع متداول منابع تغذیه باتری سرب-اسیدی تنظیم شده برای استفاده در وسایل نقلیه در نظر گرفته می‌شوند، ولتاژهای آزمون سخت‌گیرانه باید ۱٫۳ و ۰٫۹ برابر ولتاژ نامی باتری باشد. (برای یک ولتاژ نامی ۶ V، ولتاژهای آزمون سخت‌گیرانه به ترتیب ۷٫۸ V و ۵٫۴ V و برای یک ولتاژ نامی ۱۲ V، ولتاژ آزمون سخت‌گیرانه به ترتیب ۱۵٫۶ V و ۱۰٫۸ V هستند)

۳-۲-۴-۶ منابع توان با استفاده از انواع دیگر باتری‌ها

برای تجهیزات با منابع تغذیه که از باتری‌ها استفاده می‌کنند ولتاژهای آزمون سخت‌گیرانه پایین‌تر باید مطابق با موارد زیر باشد:

- برای نوع فلز نیکل-هیدریدی، لکلانته^۱ یا لیتیوم:
 - ۰/۸۵ ولتاژ نامی باتری؛
 - برای نوع جیوه‌ای یا نیکل-کادمیوم:
 - ۰/۹ ولتاژ نامی باتری.
- هیچ ولتاژ آزمون سخت‌گیرانه بالاتری به کار گرفته نمی‌شوند.

۴-۲-۴-۶ سایر منابع تغذیه

برای تجهیزاتی که از سایر منابع تغذیه استفاده می‌کنند، یا قادر به استفاده از انواع مختلف منبع تغذیه هستند، ولتاژهای آزمون سخت‌گیرانه باید برابر مقداری باشد که بین سازنده‌ی تجهیزات و آزمایشگاه انجام آزمون مورد توافق بوده و در گزارش آزمون ثبت شود.

۵-۶ رویه آزمون‌ها در دماهای سخت‌گیرانه

قبل از اینکه اندازه‌گیری‌ها انجام شود، تجهیزات باید به تعادل گرمایی در اتاقک آزمون رسیده باشند. تجهیزات باید در حین دوره پایداری دمایی، خاموش باشند. در مورد تجهیزات دارای مدارهای پایداری دمایی که برای کار پیوسته طراحی شده‌اند، این مدارها می‌توانند برای ۱۵ min پس از به‌دست‌آمدن تعادل گرمایی روشن باشند و سپس تجهیزات باید الزامات مشخص شده را برآورده نمایند. برای چنین تجهیزاتی، سازنده باید برای مدار منبع تغذیه‌ای را که کوره کریستالی را تغذیه کند، فراهم کند تا مستقل از منبع تغذیه برای سایر تجهیزات باشد.

اگر تعادل گرمایی توسط اندازه‌گیری‌ها بررسی نشود، یک دوره پایداری دمایی دست‌کم یک‌ساعتی، یا یک دوره طولانی‌تر که ممکن است توسط آزمایشگاه آزمون مقرر شده باشد، باید مجاز شود. توالی اندازه‌گیری‌ها باید انتخاب شود و میزان رطوبت اتاقک آزمون باید واپایش شود طوری که میعان بیش‌ازحد رخ ندهد.

۱-۵-۶ رویه برای تجهیزات طراحی شده برای عملیات پیوسته

اگر سازنده بیان کند که تجهیزات برای عملیات پیوسته طراحی شده است، رویه آزمون باید به صورت‌های زیر باشد.

قبل از انجام آزمون‌ها در دمای سخت‌گیرانه بالاتر، تجهیزات باید در اتاقک آزمون قرار بگیرند و تا رسیدن به تعادل گرمایی باقی بمانند. سپس تجهیزات باید برای یک دوره نیم‌ساعته در شرایط ارسال، روشن بمانند. پس از آن تجهیزات باید الزامات مشخص شده را برآورده سازند.

برای آزمون‌ها در دمای سخت‌گیرانه پایین‌تر، تجهیزات باید تا رسیدن به تعادل گرمایی در اتاقک آزمون باقی بمانند، سپس برای ۱ min به شرایط آماده‌به‌کار یا دریافت تغییر وضعیت داده شوند، پس از آن تجهیزات باید الزامات مشخص شده را برآورده نمایند.

۲-۵-۶ رویه برای تجهیزات طراحی شده برای عملیات ناپیوسته

اگر سازنده بیان کند که تجهیزات برای عملیات ناپیوسته طراحی شده است، رویه آزمون باید به صورت‌های زیر باشد.

قبل از انجام آزمون‌ها در دمای سخت‌گیرانه بالاتر، تجهیزات باید در اتاقک آزمون قرار بگیرند و تا رسیدن به تعادل گرمایی باقی بمانند. سپس تجهیزات باید برای ۱ min در شرایط ارسال روشن بمانند، سپس ۴ min در شرایط دریافت باشند، پس از آن تجهیزات باید الزامات مشخص شده را برآورده نمایند.

برای آزمون‌ها در دمای سخت‌گیرانه پایین‌تر، تجهیزات باید تا رسیدن به تعادل گرمایی در اتاقک آزمون باقی بمانند، سپس برای ۱ min به شرایط آماده‌به‌کار یا دریافت تغییر وضعیت داده شوند، پس از آن تجهیزات باید الزامات مشخص شده را برآورده نمایند.

۷ شرایط کلی

۱-۷ سیگنال‌های آزمون عادی، شرایط آزمون و سیگنال‌های ناخواسته‌ی آزمون عادی

سیگنال آزمون عادی D-M3 برای ایجاد پاسخ‌ها باید به صورت قطاری از بیت‌های به‌درستی کدگذاری شده یا سیگنال‌های به‌درستی کدگذاری شده (پیام‌ها) و در صورت امکان با طول ۲۲ بیت، باشند. برای اطلاعات کدگذاری شده‌ی آهنگ متوالی^۱، هر اطلاعاتی (برای مثال تماس انتخابی^۲) نباید بیشتر از ۴۰۰ ms طول بکشد. این سیگنال‌های آزمون D-M3 نباید با زمانی کمتر از زمان بازنشانی گیرنده، از یکدیگر جدا باشند.

برای اندازه‌گیری‌هایی که با استفاده از روش بالا-پایین^۳ انجام می‌شود، باید این امکان وجود داشته باشد که سیگنال‌های آزمون تکی D-M3 را به صورت دستی یا با یک سامانه‌ی آزمون خودکار، چکانش کرد.

1- Sequential tone coded information
2- Selective call
3- Up-down

سیگنال آزمون D-M4 شامل سیگنال‌های کدگذاری شده، پیام‌ها یا آهنگ‌هایی است که به صورت دنباله‌ای، یک‌به‌یک و بدون فاصله میانشان ارسال می‌شوند، این انتقال برای اندازه‌گیری‌هایی مانند توان کانال مجاور (به زیربندهای ۳-۱-۵ و ۳-۸ مراجعه شود)، گسیل‌های زائد (به زیربندهای ۴-۱-۵ و ۴-۸ مراجعه شود)، گسیل‌های تابشی و غیره، ضروری است.

تمام این سیگنال‌ها باید به گونه‌ای تعریف شوند که نیازمند پهنای باند مدوله‌سازی رادیویی اشغال‌شده‌ی زیادی باشند. جزئیات این سیگنال‌های آزمون و مدوله‌سازی آزمون باید در گزارش آزمون قرار گیرد.

سیگنال ناخواسته‌ی A-M3 یک سیگنال RF است که با یک آهنگ ۴۰۰ Hz پیوسته و با انحراف ٪ ۱۲ از جداسازی کانال، مدوله‌شده است. این سیگنال برای اندازه‌گیری‌هایی مانند رد هم-کانال (به زیربندهای ۲-۲-۵ و ۲-۹ مراجعه شود)، انتخاب کانال مجاور (به زیربندهای ۳-۲-۵ و ۳-۹ مراجعه شود) و غیره استفاده می‌شود.

۲-۷ آنتن مصنوعی

آزمون‌ها روی فرستنده که به استفاده از ماندافزار آزمون نیاز دارند باید اساساً با باری غیر واکنشی^۱ و غیر تابشی 50Ω متصل به ماندافزار پایانه انجام شوند.

۳-۷ مکان‌ها و چیدمان کلی آزمون برای اندازه‌گیری‌های تابشی

برای راهنمایی درباره‌ی مکان‌های آزمون گسیل‌های تابشی، به پیوست الف مراجعه کنید. توصیف با جزئیات چیدمان اندازه‌گیری تابشی نیز در این پیوست ارائه شده است.

۴-۷ امکان خاموش شدن خودکار فرستنده

اگر تجهیزات دارای امکان خاموش شدن خودکار فرستنده باشد، این ویژگی باید در طول آزمون نوعی غیرفعال شود مگر در حالتی که برای محافظت از تجهیزات، حتماً باید روشن بماند. اگر به صورت فعال باقی بماند، وضعیت تجهیزات باید نشان داده شود.

۵-۷ حالت‌های عملیاتی فرستنده

برای اهداف اندازه‌گیری‌ها مطابق با این استاندارد، ترجیحاً باید امکانی جهت عملکرد فرستنده در حالت مدوله نشده وجود داشته باشد. روش به‌دست آوردن یک بسامد حامل مدوله نشده، یا انواع ویژه‌ای از الگوهای مدوله‌سازی نیز می‌تواند به صورت توافقی بین سازنده و آزمایشگاه آزمون انتخاب شود. این امر باید در گزارش

1- Non-reactive

آزمون تشریح شود. این موضوع ممکن است شامل اصلاحات داخلی موقت و مناسب مربوط به تجهیزات تحت آزمون باشد.

۶-۷ چیدمان سیگنال‌های آزمون در ورودی گیرنده از طریق ماندافزار آزمون یا آنتن آزمون

منابع سیگنال‌های آزمون برای کاربرد در گیرنده از طریق ماندافزار آزمون (بند الف-۵)، یک خط نواری^۱ (زیربند الف ۱-۷) یا آنتن آزمونی (زیربند الف ۱-۴) باید به گونه‌ای متصل باشند که امپدانس ارائه شده برای ماندافزار آزمون، خط نواری یا آنتن آزمون 50Ω باشد. این الزامات باید فارغ از اینکه یک یا چند سیگنال با استفاده از یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به‌طور هم‌زمان به گیرنده اعمال می‌شود، برآورده شود. سطوح سیگنال‌های آزمون باید برحسب emf در خروجی منبع قبل از اتصال به ورودی گیرنده بیان شوند. اثرات هرگونه محصولات مدوله‌سازی داخلی و نوفه تولیدشده در منابع سیگنال آزمون، باید قابل چشم‌پوشی باشد.

۷-۷ امکانات خفه‌سازی^۲ یا قطع صدای^۳ گیرنده

اگر گیرنده مجهز به مدار خفه‌سازی یا قطع صدا باشد، این ویژگی باید در طول آزمون‌های نوعی غیرفعال شود.

۸-۷ کدگذار برای اندازه‌گیری‌های گیرنده

برای تسهیل اندازه‌گیری‌های گیرنده، توصیه می‌شود یک کدگذار برای سامانه‌ی سیگنال‌دهی^۴ به همراه مدل ارسال شده وجود داشته باشد که با جزئیات فرایند مدوله‌سازی عادی کامل شود. کدگذار باید برای مدوله کردن یک مولد سیگنال برای استفاده به‌عنوان منبع سیگنال آزمون استفاده شود.

در صورت امکان، توصیه می‌شود کدگذار قابلیت عملکرد در حالت تکراری، با وقفه‌هایی بین هر کد که از زمان بازنشانی کمتر نباشد را داشته باشد.

جزئیات کامل تمام کدها و قالب آن‌ها باید ارائه شود.

جزئیات مربوط به اتصالات متقابل کدگذار و مولد سیگنال باید مورد توافق بین سازنده و آزمایشگاه انجام آزمون باشد.

1- Stripline
2- Squelch
3- Mute
4- Signaling

۹-۷ امکانات برای دسترسی بین خروجی و امدوله‌ساز گیرنده و کدگشای آن

زمانی که ممکن است، جهت تسهیل اندازه‌گیری‌های زیربند ۹-۴، یک دسترسی موقت بین خروجی و امدوله‌ساز گیرنده و ورودی کدگشای آن باید برای تجهیزات تحت آزمون فراهم شود.

بدین وسیله، اندازه‌گیری‌های زیربند ۹-۴ می‌تواند به‌طور مؤثرتر با استفاده از روش اندازه‌گیری زیربند ۶-۸ استاندارد EN 300 086-1 (زیربند 2-2)، برای تعیین موارد موردنظر و سپس برای انجام اندازه‌گیری در آن موارد با استفاده از روش‌های این استاندارد، انجام شود.

۱۰-۷ نشانگر تماس

هرگونه وسیله‌ی مناسب برای نشان دادن اینکه گیرنده به یک سیگنال ورودی کدگذاری‌شده‌ی صحیح پاسخ داده است، می‌تواند استفاده شود.

۱۱-۷ بازنشانی^۱

بازنشانی می‌تواند یک روش دستی یا خودکار برای لغو کردن نشان تماس و بازنشانی کدگشا باشد که آن را قادر می‌سازد که به سیگنال ورودی کدگذاری‌شده‌ی صحیح بعدی پاسخ دهد.

۱۲-۷ زمان بازنشانی

زمان بازنشانی گیرنده، کمینه زمان سپری‌شده بین دو تماس است به‌گونه‌ای که هر دو بتوانند به‌طور موفقیت‌آمیز ثبت شوند. زمان بازنشانی باید توسط سازنده اعلام شود تا شکل سیگنال آزمون عادی بتواند استخراج شود.

۸ روش اندازه‌گیری برای پارامترهای فرستنده

زمانی که آزمون‌های فرستنده روی تجهیزات طراحی‌شده برای عملیات متوالی انجام می‌شوند، نباید از زمان ارسال بیشینه‌ی مشخص‌شده تجاوز کند.

۱-۸ خطای بسامد

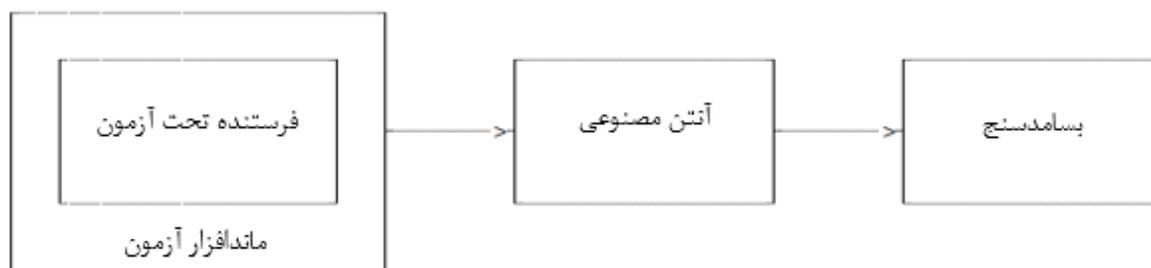
اگر این پارامتر مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) انجام‌شده باشد، این اندازه‌گیری انجام نخواهد شد.

اگر تجهیزات قابلیت تولید یک حامل مدوله نشده را داشته باشند، این اندازه‌گیری انجام خواهد شد. در غیر این صورت، توان کانال مجاور نیز باید تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه اندازه‌گیری شده و محدودیت‌های داده‌شده در زیربند ۵-۱-۳ باید برآورده شوند.

۱-۱-۸ تعریف

خطای بسامد فرستنده، اختلاف بین بسامد حامل اندازه‌گیری‌شده در نبود مدوله‌سازی و بسامد نامی فرستنده است.

۲-۱-۸ روش اندازه‌گیری



شکل ۱- چیدمان اندازه‌گیری

تجهیزات باید در ماندافزار آزمون (بند الف-۵) متصل به آنتن مصنوعی (به زیربند ۷-۲ مراجعه شود) قرار داشته باشند. بسامد حامل باید در نبود مدوله‌سازی اندازه‌گیری شود. اندازه‌گیری باید تحت شرایط آزمون عادی (به زیربند ۶-۳ مراجعه شود) انجام شده و تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه (زیربندهای ۶-۴-۱ و ۶-۴-۲ به‌طور هم‌زمان اعمال می‌شوند) تکرار شود.

۲-۸ توان تابشی مؤثر

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی به انجام این اندازه‌گیری نیست.

سازمان‌ها ممکن است مقدار بیشینه برای بیشینه توان تابشی مؤثر فرستنده را بیان نمایند؛ این مورد می‌تواند یک شرایط برای صدور مجوز باشد.

اگر تجهیزات برای کارکرد با توان‌های حامل مختلف طراحی شده باشند، بیشینه توان تابشی مؤثر اسمی مجاز برای هر سطح یا بازه‌ای از سطوح باید توسط سازنده اعلام شود. واپایش تنظیمات توان نباید در دسترس کاربر قرار داشته باشد.

الزامات این استاندارد باید برای تمامی سطوح توان که در آنها فرستنده برای کارکرد استفاده می‌شود، برآورده شود. بنا به دلایل عملی، اندازه‌گیری‌ها باید فقط در کمترین و بیشترین سطح توان که در آنها فرستنده برای کارکردن در نظر گرفته شده است، انجام شود.

۱-۲-۸ تعریف

برای اهداف این اندازه‌گیری، بیشینه توان تابشی مؤثر به‌عنوان توان تابشی مؤثر در جهت بیشینه شدت میدان تحت شرایط خاص اندازه‌گیری و در نبود مدوله‌سازی، تعریف می‌شود.

بیشینه توان تابشی مؤثر اسمی، توان تابشی مؤثر بیشینه‌ی اعلام‌شده توسط سازنده است.

توان تابشی مؤثر میانگین به‌عنوان متوسط توان تابشی مؤثر اندازه‌گیری‌شده در ۸ جهت تعریف می‌شود.

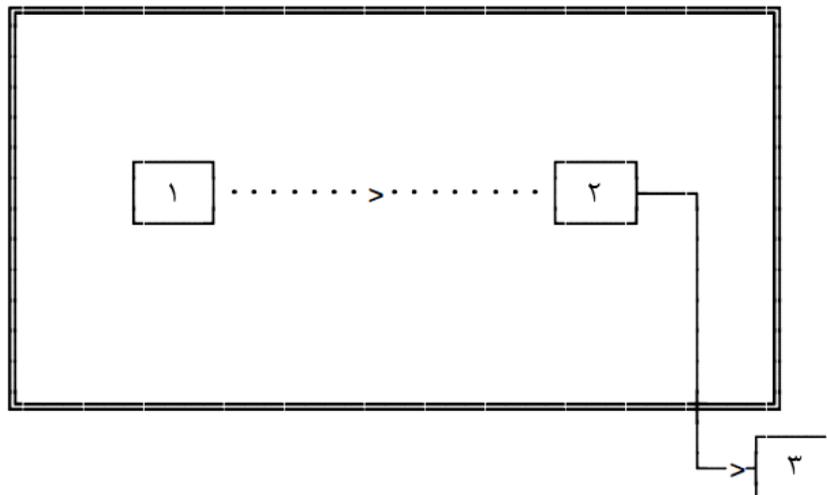
توان تابشی مؤثر میانگین اسمی نیز باید توسط سازنده اعلام شود.

۲-۲-۸ روش اندازه‌گیری

اندازه‌گیری‌ها باید تحت شرایط آزمون عادی (به زیربند ۶-۳ مراجعه شود) و شرایط آزمون سخت‌گیرانه (زیربندهای ۶-۴-۱ و ۶-۴-۲ به‌طور هم‌زمان اعمال می‌شوند) انجام شوند.

۱-۲-۲-۸ بیشینه توان تابشی مؤثر تحت شرایط آزمون عادی

محل آزمون



راهنما:

- ۱ فرستنده تحت آزمون
- ۲ آنتن آزمون
- ۳ تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی (گیرنده آزمون)

شکل ۲- چیدمان اندازه‌گیری

الف- مکان آزموننی که الزامات گستره بسامدی مشخص شده در این اندازه‌گیری را برآورده می‌کند، باید استفاده شود. آنتن آزمون باید در ابتدا برای قطبش عمودی جهت‌دهی شود، مگر اینکه غیر از این بیان شده باشد.

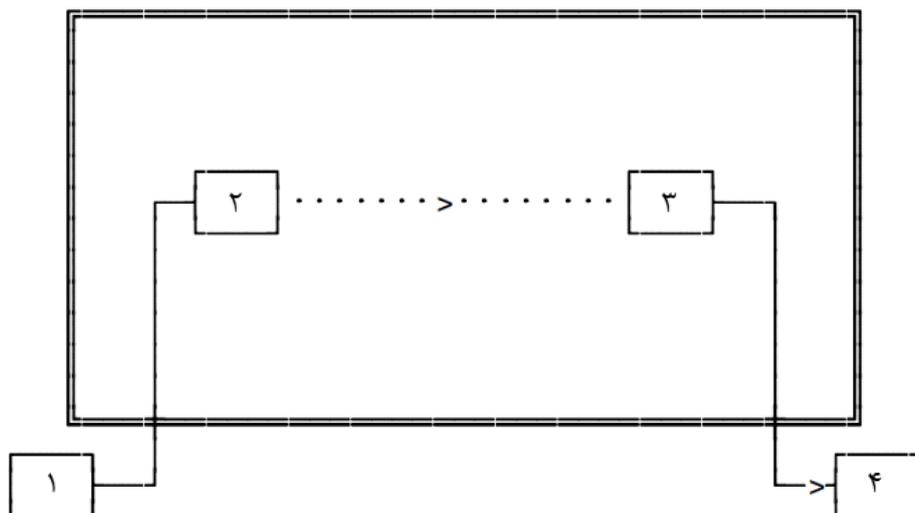
فرستنده‌ی تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود (به پیوست الف مراجعه شود) روی تکیه‌گاه قرار داده‌شده و بدون مدوله‌سازی روشن شود.

ب- تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی باید برابر با بسامد حامل فرستنده تنظیم شوند. آنتن آزمون باید در محدوده‌ی ارتفاعی مشخص شده بالا و پایین برده شود تا سطح سیگنال بیشینه روی تحلیلگر طیفی یا ولتسنج با بسامد انتخابی، آشکار شود.

اگر اندازه‌گیری روی مکان آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ (به عبارت‌دیگر یک اتاقک بی‌پژواک) انجام شود، نیازی به تنظیم ارتفاع آنتن آزمون نیست.

- پ- فرستنده باید حول محور عمودی 360° بچرخد تا سیگنال بیشینه‌ی بالاتری دریافت شود.
- ت- آنتن آزمون باید مجدداً در محدوده‌ی ارتفاع مشخص شده بالا و پایین شده تا یک مقدار بیشینه به دست آید. این سطح باید ثبت شود. (این مقدار بیشینه می‌تواند مقداری کمتر از مقدار قابل دستیابی در ارتفاعاتی خارج از محدودیت‌های مشخص شده باشد).
- اگر اندازه‌گیری روی مکان آزمونی مطابق با زیربند الف-۱-۱ انجام شود، نیازی به تنظیم ارتفاع آنتن آزمون نیست.

محل آزمون



راهنما:

- | | |
|---|---|
| ۱ | مولد سیگنال |
| ۲ | آنتن جانشین |
| ۳ | آنتن آزمون |
| ۴ | تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی |

شکل ۳- چیدمان اندازه‌گیری

- ث- با استفاده از چیدمان اندازه‌گیری شکل ۳، آنتن جانشین، باید به جای آنتن فرستنده در همان موقعیت و قطبش عمودی قرار گیرد. بسامد مولد سیگنال باید برابر با بسامد حامل فرستنده تنظیم شود. در صورت لزوم برای اطمینان حاصل کردن از اینکه هنوز سیگنال بیشینه دریافت می‌شود، آنتن آزمون باید بالا یا پایین برده شود.
- اگر اندازه‌گیری روی محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ انجام شود، نیازی به تنظیم ارتفاع آنتن آزمون نیست.

سطح سیگنال ورودی به آنتن جانشین باید تنظیم شده تا زمانی که یک سطح برابر یا شناخته شده‌ای مرتبط با سیگنال آشکار شده از فرستنده در گیرنده آزمون به دست آید. توان تابشی حامل بیشینه برابر است با توان فراهم شده توسط مولد سیگنال که در صورت لزوم با نسبتی شناخته شده و بعد از تصحیح ناشی از بهره‌ی آنتن جانشین و اتلاف کابل بین مولد سیگنال و آنتن جانشین، افزایش می‌یابد.

ج- گام‌های ب تا ث در بالا باید با آنتن آزمون و آنتن جانشین با قطبش افقی نیز تکرار شود.

۸-۲-۲-۲ توان تابشی مؤثر متوسط تحت شرایط آزمون عادی

الف- رویه‌ها در گام‌های ب تا ج باید تکرار شوند، مگر در گام پ فرستنده باید در طی ۸ موقعیت، بافاصله‌های 45° ، شروع در موقعیت مربوط به بیشینه توان تابشی مؤثر اندازه‌گیری شده، بچرخد.

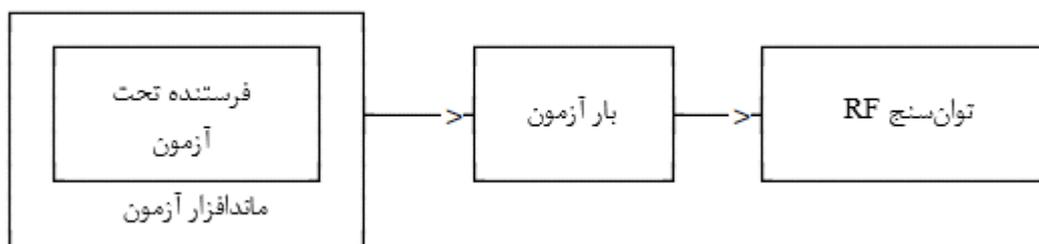
ب- توان تابشی مؤثر متوسط مطابق با هشت مقدار اندازه‌گیری شده به صورت زیر است:

$$P_n = \sum_{i=1}^8 P_n / 8$$

توان تابشی میانگین

که P_n توان مربوط به هر یک از هشت موقعیت است.

۸-۲-۳ روش اندازه‌گیری‌های توان تابشی مؤثر بیشینه و متوسط تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه



شکل ۴- چیدمان اندازه‌گیری

الف- اندازه‌گیری مشخص شده در زیربند ۸-۲-۲ باید همچنین تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه انجام شود. به دلیل غیرممکن بودن تکرار اندازه‌گیری در یک محل آزمون تحت شرایط دمایی سخت‌گیرانه، یک اندازه‌گیری نسبی، با استفاده از ماندافزار آزمون (بند الف-۵) و چیدمان اندازه‌گیری شکل ۴، انجام شده است.

ب- توان تحویلی به بار آزمون تحت شرایط آزمون عادی (زیربند ۶-۳) و شرایط آزمون سخت‌گیرانه اندازه‌گیری می‌شود (زیربندهای ۶-۴-۱ و ۶-۴-۲ به طور هم‌زمان به کار می‌روند) و تفاوت برحسب dB یادداشت می‌شود و این تفاوت به روش جبری به توان تابشی مؤثر میانگین تحت شرایط آزمون عادی، به منظور به دست آوردن توان تابشی مؤثر میانگین تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه اضافه می‌شود.

پ- یک محاسبه مشابه، توان تابشی مؤثر بیشینه را به وجود می‌آورد.

ت- عدم قطعیت‌های اضافی می‌تواند تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه به دلیل کالیبره کردن ماندافزار آزمون رخ دهد.

۳-۸ توان کانال مجاور

این اندازه‌گیری باید انجام شود، حتی اگر تجهیزات مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) نیز آزمون شده باشد.

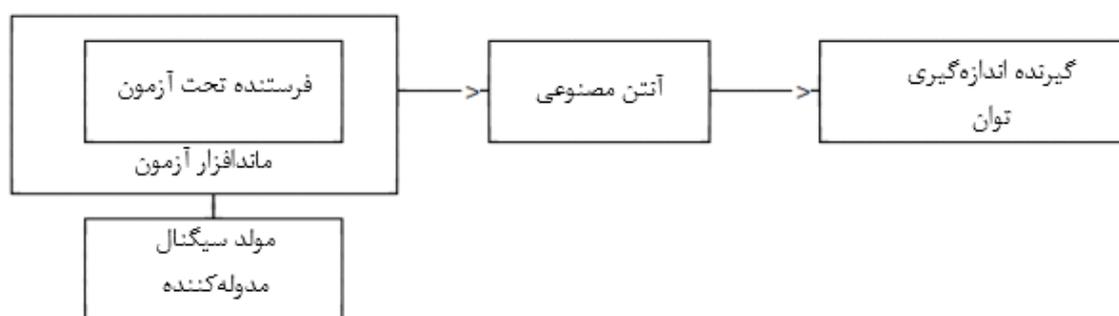
۱-۳-۸ تعریف

آن قسمتی از خروجی توان کل یک فرستنده تحت شرایط تعریف‌شده مدوله‌سازی است که درون یک بانده میان‌گذر مشخص شده با مرکزیت بسامد نامی هر یک از دو کانال مجاور قرار می‌گیرد. این توان، جمع توان متوسط تولیدشده توسط مدوله‌سازی، هوم و نوفه فرستنده است.

این توان به عنوان نسبت تعریف‌شده برحسب دسی‌بل توان حامل به توان کانال مجاور یا به عنوان یک مقدار مطلق مشخص می‌شود.

۲-۳-۸ روش اندازه‌گیری

توان کانال مجاور می‌تواند با یک گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان که با الزامات مشخص شده در پیوست ب مطابقت دارد، اندازه‌گیری شود.



شکل ۵- چیدمان اندازه‌گیری

الف- فرستنده تحت آزمون، باید در ماندافزار آزمون (به بند الف-۵ مراجعه شود) که با یک آنتن مصنوعی (به زیربند ۷-۲ مراجعه شود) به یک گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان کالیبره‌شده برای اندازه‌گیری سطح توان مقدار مؤثر (r.m.s.) متصل شده است، قرار داده شود. سطح ورودی گیرنده باید در حد مجاز خود باشد. فرستنده باید در سطح توان بیشینه عملیاتی حامل کار کند.

ب- با عدم مدوله‌سازی فرستنده، تنظیم گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان باید طوری انجام شود که پاسخ بیشینه به‌دست آید. این نقطه، نقطه‌ی پاسخ ۰ dB (صفر) است. تنظیمات تضعیف‌کننده‌ی گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان و خوانش وسیله‌ی سنجش باید ثبت شود.

پ- تنظیم گیرنده اندازه‌گیر توان باید به‌دوراز حامل انجام شود طوری که نزدیک‌ترین پاسخ ۶ dB - به بسامد حامل فرستنده در جابجایی از بسامد نامی حامل، طبق جدول زیر، قرار بگیرد.

جدول ۶- جابجاشدگی بسامد

جابجاشدگی (kHz)	جداسازی کانال (kHz)
۸٫۲۵	۱۲٫۵
۱۳	۲۰
۱۷	۲۵

نتایج مشابهی با تنظیم گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان به بسامد نامی کانال مجاور (نقطه‌ی D2 در نمودار شکل پالایه اندازه‌گیری توان)، در صورت کالیبره‌ی مناسب، به‌دست خواهد آمد.

ت- فرستنده باید توسط سیگنال آزمون D-M4 مدوله شود (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود).

ث- تضعیف‌کننده‌ی متغیر گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان باید جهت دستیابی به مقدار سنجیده‌شده‌ی مشابه در گام ب یا ارتباطی شناخته‌شده با آن، تنظیم شود. این مقدار باید ثبت شود.

ج- نسبت توان کانال مجاور به توان حامل، برابر اختلاف بین تنظیمات تضعیف‌کننده در گام ب و ه است که برای هر اختلافی در خوانش سنجه، تصحیح‌شده است. از طرف دیگر، مقدار مطلق توان کانال مجاور می‌تواند از نسبت بالا و توان حامل فرستنده محاسبه شود.

چ- گام‌های ج تا و باید با گیرنده‌ی اندازه‌گیر توان تنظیم‌شده به دیگر طرف حامل نیز تکرار شود.

ح- برای تجهیزاتی که قابلیت تولید حامل مدوله نشده را ندارند (به زیربند ۸-۱ مراجعه شود)، اندازه‌گیری باید تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه (زیربندهای ۶-۴-۱ و ۶-۴-۲ هم‌زمان اعمال می‌شوند) تکرار شود.

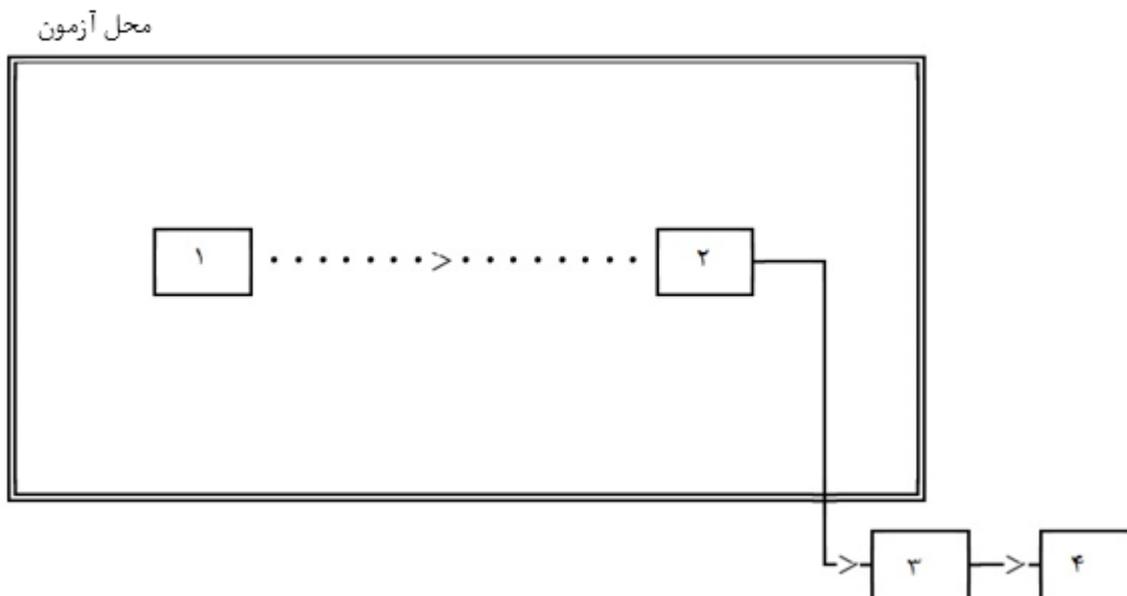
۴-۸ گسیل‌های زائد تابشی

نیازی نیست که این اندازه‌گیری روی تجهیزاتی که به‌طور هم‌زمان برای آزمون مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) و این استاندارد ارسال شده‌اند، انجام شود.

۱-۴-۸ تعریف

گسیل‌های زائد، گسیل‌هایی هستند که در بسامدهایی به‌جز بسامدهای حامل و باندهای کناری با مدوله‌سازی عادی، تابش شده بوسیله‌ی آنتن و محفظه‌ی فرستنده اتفاق می‌افتند. این گسیل‌ها به‌عنوان توان تابشی هر سیگنال گسسته مشخص می‌شوند.

۲-۴-۸ روش اندازه‌گیری



راهنما:

- | | |
|---|--|
| ۱ | فرستنده تحت آزمون |
| ۲ | آنتن آزمون |
| ۳ | فیلتر بلاگذر «Q» (فرورفته) |
| ۴ | تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی (گیرنده آزمون) |

شکل ۶- چیدمان اندازه‌گیری

الف - محل آزمونی که الزامات گستره بسامدی خاص این اندازه‌گیری را برآورده می‌کند، باید مورد استفاده قرار گیرد. آنتن آزمون باید در ابتدا برای قطبش عمودی جهت‌دهی شده و به یک تحلیلگر طیف یا یک ولت‌سنج با بسامد انتخابی، از طریق یک پالایه مناسب برای جلوگیری از اضافه‌بار شدن^۱ تحلیلگر یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی، متصل شود. در حالی که اندازه‌گیری‌ها با یک حامل مدوله نشده انجام

می‌شود، پهنای باند تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی باید بین ۱۰ kHz و ۱۲۰ kHz و برابر مقداری مناسب برای انجام درست اندازه‌گیری تنظیم شود.

برای اندازه‌گیری گسیل‌های زائد زیر هارمونیک دوم بسامد حامل، پالایه استفاده‌شده باید یک پالایه با «Q» بالا (تیز)^۱ باشد که در مرکز بسامد حامل فرستنده قرار دارد و این سیگنال را دست‌کم به اندازه‌ی ۳۰ dB تضعیف نماید.

برای اندازه‌گیری گسیل‌های زائد روی هارمونیک دوم بسامد حامل و بالای آن، پالایه استفاده‌شده باید یک پالایه بالا گذر با رد باند توقف بیشتر از ۴۰ dB باشد. بسامد قطع پالایه بالا گذر باید تقریباً ۱٫۵ برابر بسامد حامل فرستنده باشد.

فرستنده تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود (به پیوست الف مراجعه شود) روی تکیه‌گاه قرار گرفته و بدون مدوله‌سازی روشن شود.

اگر نتوان یک حامل مدوله نشده را به دست آورد، آنگاه اندازه‌گیری‌ها باید با فرستنده‌ی مدوله‌شده بوسیله‌ی سیگنال آزمون D-M4 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) انجام شود که در این حالت، این موضوع باید در گزارش آزمون ثبت شود.

ب- تابش هر گسیل زائد باید توسط آنتن آزمون و تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی در گستره بسامدی ۳۰ MHz تا ۴ GHz، به جز کانال کاری فرستنده و کانال‌های مجاور آن، آشکار شود. بعلاوه، برای تجهیزاتی که روی بسامدهای بالاتر از ۴۷۰ MHz کار می‌کنند، اندازه‌گیری‌ها باید در گستره بسامدی ۴ GHz تا ۱۲٫۵ GHz تکرار شود. بسامد هر گسیل زائد آشکار شده باید ثبت شود. اگر محل آزمون تحت تأثیر تداخل ناشی از بیرون باشد، این جستجوی کیفی می‌تواند در یک اتاق دارای صفحه‌ی نمایش^۲، بافاصله‌ی کاهش‌یافته بین فرستنده و آنتن آزمون، انجام شود.

پ- در هر بسامدی که در آن یک گسیل آشکار شده است، تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی باید تنظیم شده و آنتن آزمون باید در گستره ارتفاع مشخص شده بالا و پایین برده شود تا سطح سیگنال بیشینه روی تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی آشکار شود.

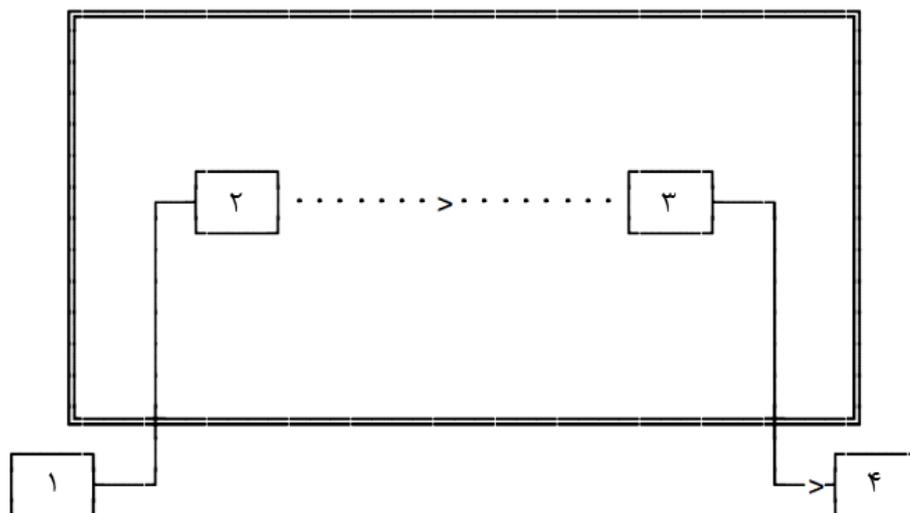
اگر اندازه‌گیری‌ها روی محل آزمونی مطابق با زیربند الف-۱-۱ (به عبارت دیگر یک اتاق بی‌پژواک) انجام شود، نیازی به بالا و پایین بردن آنتن آزمون نیست.

ت- فرستنده باید حول محور عمودی 360° چرخانده شده تا سیگنال بیشینه‌ی بالاتری دریافت شود.

1- Notch
2- Screened room

- ث- آنتن آزمون باید در گستره ارتفاعی مشخص شده بالا و پایین برده شود تا یک مقدار بیشینه به دست آید. این سطح باید ثبت شود.
- اگر اندازه‌گیری‌ها روی محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ انجام شود، نیازی نیست آنتن آزمون بالا و پایین شود.

محل آزمون



راه‌نما:

- | | |
|---|--|
| ۱ | مولد سیگنال |
| ۲ | آنتن جانشین |
| ۳ | آنتن آزمون |
| ۴ | تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی (گیرنده‌ی آزمون) |

شکل ۷- چیدمان اندازه‌گیری

- ج- با استفاده از چیدمان اندازه‌گیری نشان داده‌شده در شکل ۷، آنتن جانشین باید به جای آنتن فرستنده در همان موقعیت و قطبش عمودی قرار داده شود. این آنتن باید به مولد سیگنال متصل باشد.
- چ- در هر بسامدی که در آن یک گسیل آشکار شده است، آنتن جانشین و تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی باید به طور متقابل تنظیم شوند. آنتن آزمون باید در گستره مشخص‌شده‌ی ارتفاعی بالا و پایین برده شود تا سطح سیگنال بیشینه روی تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی آشکار شود.
- اگر اندازه‌گیری‌ها روی محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ انجام شود، نیازی نیست آنتن آزمون بالا یا پایین شود.

سطح مولد سیگنال که سطح سیگنال مشابهی روی تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی همانند گام ت در بالا می‌دهد، باید ثبت شود. این مقدار، بعد از اصلاحات ناشی از بهره‌ی آنتن جانشین و اتلاف کابل بین مولد سیگنال و آنتن جانشین، گسیل زائد تابشی در این بسامد است.

پهنای باند تفکیک‌پذیری^۱ وسیله‌ی اندازه‌گیری باید کم‌ترین پهنای باند موجودی باشد که از پهنای طیفی مولفه زائد در حال اندازه‌گیری شدن بزرگ‌تر است. باید در نظر داشت که هنگامی به‌دست می‌آید که بالاترین پهنای باند بعدی موجب کمتر از ۱ dB افزایش در دامنه شود.

شرایط استفاده‌شده در اندازه‌گیری‌ها باید در گزارش آزمون ثبت شود.

ح- از گام پ تا چ در بالا باید برای آنتن آزمون جهت‌دهی شده در قطبش افقی تکرار شود.

خ- از گام پ تا ح در بالا باید برای فرستنده در شرایط غیرفعال، در صورت امکان، تکرار شود.

۵-۸ رفتار بسامدی گذرای فرستنده

این اندازه‌گیری برای تجهیزاتی که فقط جهت کار مداوم طراحی شده‌اند، به‌کاربرده نمی‌شود. اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 2-2-7) انجام شده باشد، نیازی به انجام آن نیست.

۱-۵-۸ تعاریف

رفتار بسامدی گذرای فرستنده، تغییرات زمانی اختلاف بسامدی فرستنده از بسامد نامی آن در زمان روشن و خاموش بودن توان خروجی RF است.

t_{on} : مطابق با روش اندازه‌گیری توضیح داده‌شده در زیربند ۲-۵-۸، لحظه‌ی روشن بودن t_{on} مربوط به یک فرستنده توسط شرایطی تعریف می‌شود که توان خروجی اندازه‌گیری شده در پایانه‌ی آنتن، از ۰٫۱٪ توان پایانه (۳۰ dBc-) بیشتر می‌شود.

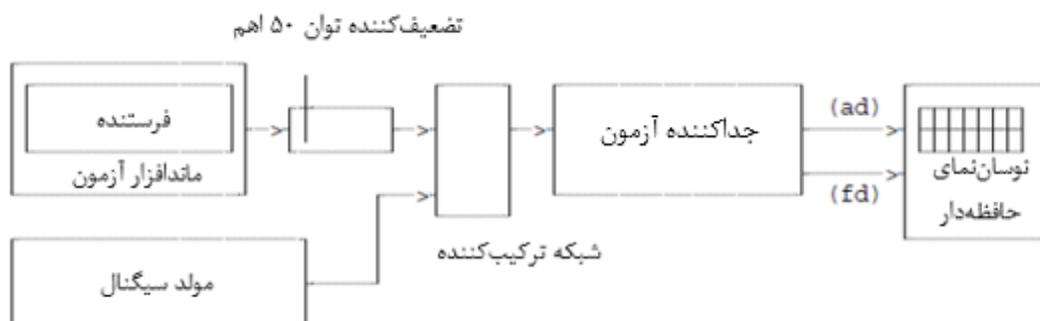
t1: دوره‌ی زمانی با شروع از t_{on} و پایان مطابق با جدول ۳ زیربند ۵-۱-۵؛

t2: دوره‌ی زمانی با شروع از پایان t_1 و پایان مطابق با جدول ۳ زیربند ۵-۱-۵؛

t_{off} : لحظه‌ی خاموش شدن تعریف شده توسط شرایطی که توان نامی به مقدار کمتر از ۰٫۱٪ توان نامی (۳۰ dBc-) افت می‌کند؛

t3: دوره‌ی زمانی با پایان در t_{off} و شروع مطابق با جدول ۳ زیربند ۵-۱-۵.

۲-۵-۸ روش اندازه‌گیری



شکل ۸- چیدمان اندازه‌گیری

فرستنده باید در ماندافزار آزمون (بند الف-۵) قرار گرفته و چیدمان اندازه‌گیری نمایش داده شده در شکل ۸ باید مورد استفاده قرار گیرد.

دو سیگنال باید از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده، زیربند ۶-۷، به جداکننده^۱ آزمون متصل شود.

خروجی فرستنده از ماندافزار آزمون باید به یک تضعیف‌کننده‌ی توان 50Ω متصل شود.

خروجی تضعیف‌کننده توان باید از طریق یک ورودی شبکه‌ی ترکیب‌کننده به جداکننده‌ی آزمون متصل شود.

یک مولد سیگنال آزمون باید به ورودی دوم شبکه‌ی ترکیب‌کننده متصل باشد.

سیگنال آزمون باید روی بسامد نامی فرستنده تنظیم شود.

سیگنال آزمون باید توسط یک بسامد 1 kHz با انحرافی برابر با مقدار مثبت یا منفی جداسازی کانال مربوطه مدوله شود.

سطح سیگنال آزمون باید به 0.1% توان فرستنده‌ی تحت آزمون اندازه‌گیری شده در ورودی تفکیک‌کننده تنظیم شود. این سطح باید در طول اندازه‌گیری نگه‌داشته شود.

خروجی اختلاف دامنه (ad) و اختلاف بسامد (fd) تفکیک‌کننده‌ی آزمون باید به نوسان‌نمای حافظه‌دار^۲ متصل شود.

نوسان‌نمای حافظه‌دار باید برای نمایش کانال مربوط به ورودی (fd) تا ± 1 اختلاف بسامد کانال، مربوط به جداسازی کانال مربوطه، از بسامد نامی، تنظیم شود.

1- Discriminator
2- Storage Oscilloscope

نوسان نمای حافظه دار باید برای نرخ جاروب 10 ms/division و به گونه‌ای که تحریک در 1 division از لبه‌ی چپی نمایشگر اتفاق بیفتد، تنظیم شود.

نمایشگر، سیگنال آزمون 1 kHz را به‌طور پیوسته نشان می‌دهد.

نوسان نمای حافظه دار باید به چکانش^۱ روی کانال مربوط به ورودی اختلاف دامنه (ad) در یک سطح پایین و در حال افزایش از ورودی، تنظیم شود.

سپس فرستنده باید بدون مدوله‌سازی، برای تولید پالس چکانش و نمایش یک تصویر روی نمایشگر، روشن شود.

نتیجه‌ی تغییر در نسبت توان بین سیگنال آزمون و خروجی فرستنده، ناشی از دستیابی به نسبت تفکیک‌کننده‌ی آزمون، دو قسمت جداگانه روی تصویر ایجاد می‌کند که یکی سیگنال آزمون 1 kHz و دیگری اختلاف بسامدی فرستنده برحسب زمان را نشان می‌دهد.

لحظه‌ای که سیگنال آزمون 1 kHz به‌طور کامل فرونشانده می‌شود، زمان فراهم کردن t_{on} در نظر گرفته می‌شود.

دوره‌های زمانی t_1 و t_2 همان‌طور که در جدول ۳، زیربند ۵-۱-۵ تعریف شده‌اند، باید برای تعریف قالب مناسب استفاده شوند.

در طول دوره‌ی زمانی t_1 و t_2 ، اختلاف بسامدی نباید از مقادیر داده‌شده در زیربند ۵-۱-۵ تجاوز کند.

اختلاف بسامدی بعد از پایان t_2 باید درون حد خطای بسامدی زیربند ۵-۱-۱ قرار داشته باشد.

نتایج باید به‌صورت اختلاف بسامدی برحسب زمان ثبت شوند.

فرستنده باید روشن باقی بماند.

نوسان نمای حافظه‌دار باید به محرک روی کانال مربوط به ورودی اختلاف دامنه (ad) در سطح بالای ورودی و در حال کاهش از ورودی و به گونه‌ای که چکانش در 1 division از سمت راست صفحه‌ی نمایش اتفاق بیفتد، تنظیم شود.

سپس فرستنده باید خاموش شود.

لحظه‌ای که سیگنال آزمون 1 kHz شروع به بالا رفتن می‌کند، زمان فراهم کردن t_{off} در نظر گرفته می‌شود.

دوره زمانی t_3 همان‌طور که در جدول ۳، زیربند ۵-۱-۵ تعریف شده‌اند، باید برای تعریف الگو مناسب استفاده شوند.

در طول دوره‌ی زمانی t_3 ، اختلاف بسامدی نباید از مقادیر داده‌شده در زیربند ۵-۱-۵ تجاوز کند. قبل از شروع t_3 ، اختلاف بسامدی باید درون حد خطای بسامدی زیربند ۵-۱-۱ قرار داشته باشد. نتایج باید به صورت اختلاف بسامدی برحسب زمان ثبت شوند.

شکل ۹، تصویر t_1 ، t_2 و t_3 مربوط به نوسان نمای حافظه دار برای حالتی که تجهیزات در گستره بسامدی ۳۰۰ MHz تا ۴۰۰ MHz کار می‌کند را نشان می‌دهد.

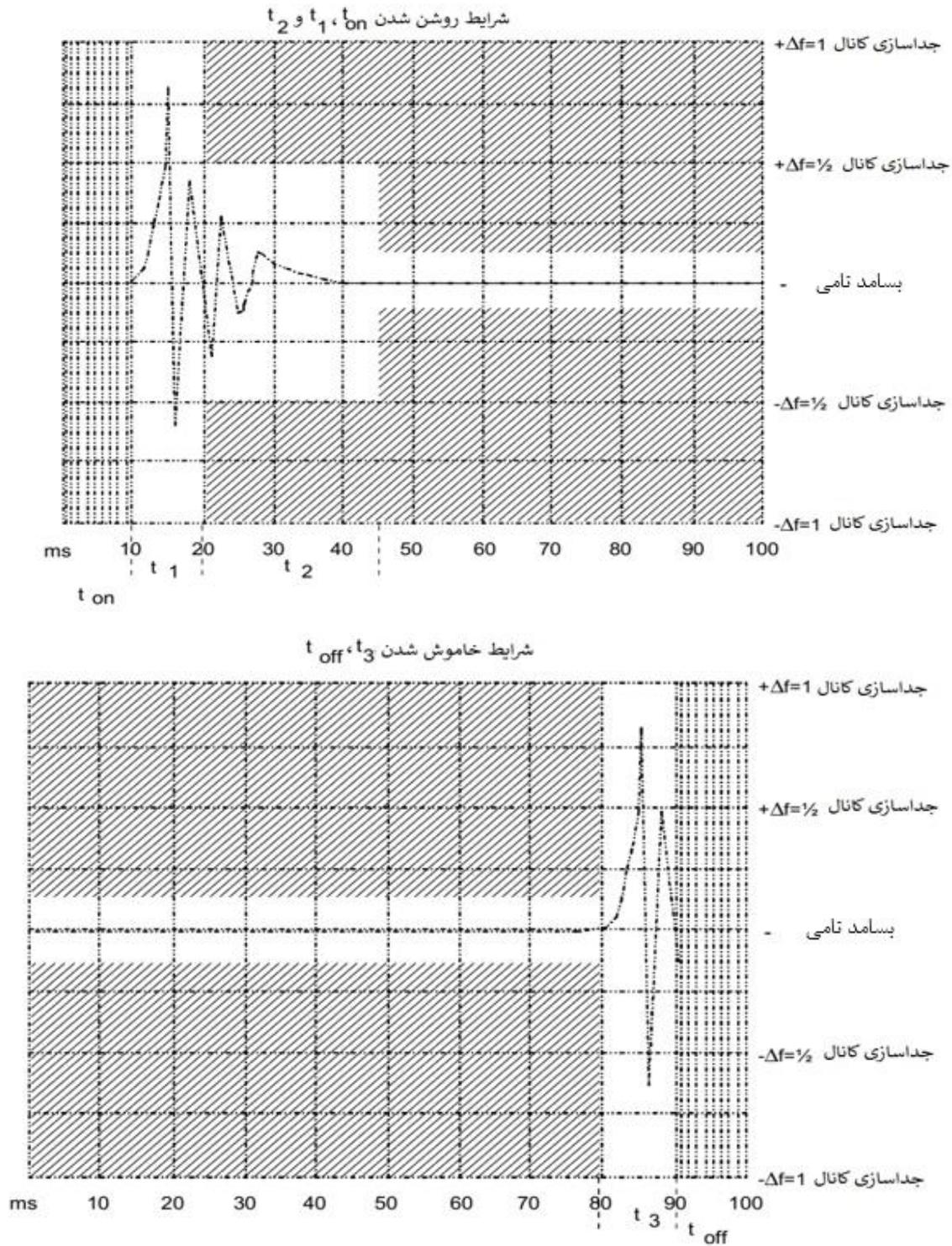
اگر نتوان یک حامل مدوله نشده را به دست آورد، آنگاه اندازه‌گیری‌ها باید با فرستنده‌ی مدوله‌شده بوسیله‌ی سیگنال آزمون D-M4 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) انجام‌شده و یک جداسازی اضافی $1/2$ کانال، برای حد اختلاف بسامدی اوج قابل قبول خواهد بود.

اگر نمایشگر نوسان‌نما بلافاصله بعد از پایان سیگنال کالیبره‌شده، یک ضربه‌ی بزرگی را نشان دهد، خطر این وجود دارد که این سیگنال بوسیله‌ی جابجایی فاز بین سیگنال کالیبره‌شده و فرستنده تولیدشده باشد. برای شناسایی منبع ضربه، روش زیر را می‌توان مورد استفاده قرار داد.

ضربه می‌تواند بوسیله‌ی تکرار آزمون، برای مثال سه بار تکرار، ارزیابی شود.

اگر ضربه در دامنه ثابت بماند و از حد تجاوز کند، آنگاه فرستنده نمی‌تواند آزمون را به انجام برساند.

اگر ضربه، دامنه را تغییر دهد، انتقال فاز به دلیل روش آزمون اتفاق افتاده و در ارزیابی نتایج آزمون باید از این ضربه چشم‌پوشی شود.



شکل ۹- تصویر نوسان نمای حافظه دار t_1 ، t_2 و t_3

۹ روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای گیرنده

۱-۹ حساسیت قابل‌استفاده‌ی متوسط (شدت میدان، پاسخ‌ها)

۱-۱-۹ تعریف

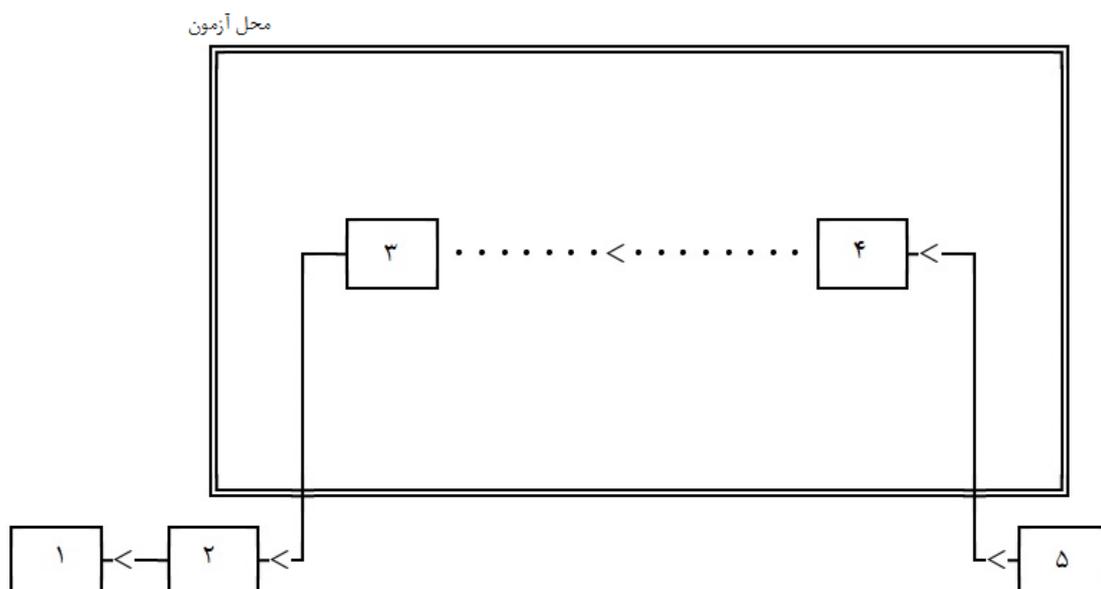
حساسیت قابل‌استفاده‌ی متوسط (پاسخ‌ها) که به عنوان شدت میدان مطرح‌شده، شدت میدان متوسط است که برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ بیان شده و بوسیله‌ی یک حامل در بسامد نامی گیرنده و مدوله‌شده با سیگنال آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) تولید می‌شود که بدون تداخل، بعد از واندوله‌سازی یک نسبت پاسخ موفق مشخص شده تولید خواهد شد. میانگین از ۸ اندازه‌گیری شدت میدان در زمانی که گیرنده به‌اندازه‌ی 45° با شروع از یک‌جهت مشخص به‌صورت کاهشی چرخانده می‌شود، محاسبه می‌شود.

یادآوری - حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین اغلب فقط به‌اندازه‌ی مقداری کم از حساسیت قابل‌اندازه‌گیری بیشینه‌ای تفاوت دارد که می‌توان در یک‌جهت خاص به آن دست‌یافت. این به دلیل ویژگی‌های فرایند میانگین‌گیری به‌نحوی است که در فرمول زیربند ۹-۲-۱ استفاده می‌شود، برای مثال، اگر حساسیت در هفت جهت برابر بوده و در جهت هشتم بسیار بد باشد، خطایی که از مقدار $1/2 \text{ dB}$ بیشتر نباشد می‌تواند رخ دهد. به دلیل مشابه جهت شروع (زاویه) می‌تواند به صورت تصادفی انتخاب شود.

۲-۱-۹ روش اندازه‌گیری تحت شرایط آزمون عادی

چیدمان باید برای تزویج تجهیزات تحت آزمون به نشانگر تماس باید با روشی انجام شود که میدان تابشی را تحت تأثیر قرار ندهد (به بند الف-۳ مراجعه شود).

محل آزمون که الزامات مربوط به گستره بسامدی مشخص‌شده‌ی این اندازه‌گیری را برآورده می‌کند، باید مورد‌استفاده قرار گیرد. آنتن آزمون باید برای قطبش عمودی یا قطبشی که در آن تجهیزات تحت آزمون به‌منظور کارکرد طراحی شده‌اند، جهت‌دهی شود.



راهنما:

- | | |
|---|---|
| ۱ | نشانگر تماس ^۱ |
| ۲ | جفتگر آکوستیک ^۲ /آشکارساز عکس ^۳ |
| ۳ | گیرنده تحت آزمون |
| ۴ | آنتن آزمون |
| ۵ | مولد سیگنال |

شکل ۱۰- چیدمان اندازه‌گیری

الف - یک مولد سیگنال باید به آنتن آزمون متصل شود.

مولد سیگنال باید در بسامد نامی گیرنده قرار داشته باشد و باید با سیگنال آزمون عادی D-M3 مدوله شود.

گیرنده‌ی تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود و با جهت‌دهی تصادفی روی تکیه‌گاه قرار داشته باشد. یک نشانگر تماس باید ترجیحاً با یک آشکارساز تصویر یا یک جفت‌گر آکوستیک (به بند الف-۳ مراجعه شود)، به منظور جلوگیری از تداخل میدان الکترومغناطیسی در مجاورت تجهیزات، به گیرنده متصل شود.

ب - سطح مولد سیگنال باید تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق به مقدار کمتر از تقریباً ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود.

-
- 1- Calling indicator
 - 2- Acoustic coupler
 - 3- Photo detector

پ- آنتن آزمون باید در گستره ارتفاعی مشخص شده برای پیدا کردن نسبت پاسخ بیشینه، بالا و پایین برده شود.

سطح سیگنال آزمون باید برای تولید نسبت پاسخ مشخص شده در گام ب دوباره تنظیم شود.
اگر اندازه‌گیری روی محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ (به عبارت دیگر یک اتاقک بی‌پژواک) انجام شود، نیازی به تغییر ارتفاع آنتن آزمون نیست (نیازی نیست آنتن آزمون بالا و پایین برده شود).

ث- کمینه سطح مولد سیگنال از گام ب یا پ با مقدار مناسب را یادداشت کنید.

ج- سیگنال آزمون عادی باید به‌طور مکرر ارسال شود، درحالی‌که در هر مورد باید مشاهده شود که آیا پاسخ موفق به‌دست می‌آید یا خیر.

سطح سیگنال آزمون برای هر حالتی که یک پاسخ موفق به‌دست نمی‌آید، باید ۲ dB افزایش یابد. این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ متوالی مشاهده شود، ادامه یابد.

یادآوری- این سطح، کمینه سطح مولد سیگنال در این جهت است.

چ- سطح اشاره‌شده در گام ث باید به‌اندازه‌ی ۱ dB کاهش یابد و مقدار جدید نیز ثبت شود. سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به‌دست نیاید، سطح باید به‌اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و مقدار جدید یادداشت شود. اگر یک پاسخ موفق به‌دست آید، سطح نباید تا زمان مشاهده‌ی سه پاسخ موفق متوالی، تغییر داده شود. در این حالت، سطح باید به‌اندازه‌ی ۱ dB کاهش یابد و مقدار جدید یادداشت شود. تا قبل از یک تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنالی نباید یادداشت شود.

میانگین مقادیر یادداشت‌شده، مربوط به نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ هستند. این مقدار باید برای محاسبه‌ی شدت میدان مرتبط با هر موقعیت در گام ح استفاده شود.

ح- گام‌های ب تا و در بالا باید برای هر هفت موقعیت باقیمانده‌ی (با فاصله‌ی ۴۵°) گیرنده تکرار شده و مقادیر میانگین مربوطه‌ی خروجی مولد (متناظر با نسبت پاسخ موفق ۸۰٪) باید تعیین و ثبت شوند.

خ- با استفاده از رابطه‌ی توصیف‌شده در پیوست الف، هشت شدت میدان Xi متناظر با مقادیر میانگین بالا را برحسب $\mu\text{V/m}$ محاسبه و ثبت نمایید.

د- حساسیت میانگین بیان‌شده به‌عنوان شدت میدان E_{mean} (dB $\mu\text{V/m}$) به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

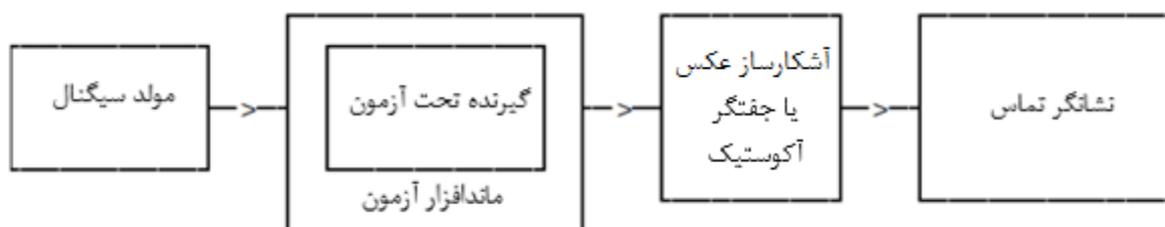
$$E_{\text{mean}} = 20 \log \left(\sqrt{\frac{8}{\sum_{i=1}^8 \frac{1}{X_i^2}}} \right)$$

که در آن X_i بیانگر هر یک از هشت شدت میدان محاسبه شده در گام ح است. نتیجه‌ی ثبت شده، حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ است.

ذ- جهت مرجع به عنوان جهتی تعریف می‌شود که در آن سطح حساسیت بیشینه (به عبارت دیگر شدت میدان کمینه برای پاسخ‌های یادآوری شده در طول اندازه‌گیری) در هشت موقعیت اندازه‌گیری اتفاق می‌افتد. جهت مربوطه، ارتفاع (در صورت امکان) و این مقدار شدت میدان مرجع باید ثبت شود.

۳-۱-۹ روش اندازه‌گیری حساسیت‌های قابل استفاده‌ی متوسط تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه

با استفاده از ماندافزار آزمون در چیدمان اندازه‌گیری در شکل ۱۱، اندازه‌گیری حساسیت قابل استفاده‌ی متوسط باید تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه نیز انجام بگیرد.



شکل ۱۱- چیدمان اندازه‌گیری

سطح ورودی سیگنال آزمون که نسبت پاسخ موفق $\% 80$ را فراهم می‌کند، باید تحت شرایط آزمون عادی و سخت‌گیرانه مشخص شود و اختلاف آن‌ها برحسب dB باید محاسبه شود. این اختلاف باید به حساسیت قابل استفاده‌ی متوسط اندازه‌گیری شده به میدان‌های تابشی برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ ، همان‌طور که در گام ۹-۱-۲ محاسبه شود، تحت شرایط آزمون عادی برای به دست آوردن حساسیت تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه، اضافه شود.

۴-۱-۹ مراجع برای اندازه‌گیری‌های کاهش کارایی

۱-۴-۱-۹ تعریف

اندازه‌گیری‌های هستند که روی گیرنده و برای ایجاد کاهش در کارایی گیرنده به دلیل حضور یک سیگنال ناخواسته (تداخلی) انجام می‌شوند. برای چنین اندازه‌گیری‌هایی، سطح سیگنال ناخواسته باید به مقداری تنظیم شود که به اندازه‌ی 3 dB از حد حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین بالاتر است.

اندازه‌گیری‌های کاهش به دو رده تقسیم می‌شوند:

الف- آن‌هایی که روی محل آزمون انجام می‌شوند (به زیربندهای ۴-۹، ۶-۹ و پیوست الف مراجعه شود)؛ و

ب- آن‌هایی که با استفاده از یک ماندافزار آزمون انجام می‌شوند (به زیربندهای ۲-۹، ۳-۹ و ۵-۹ و بند الف-۵، پیوست الف مراجعه شود).

ماندافزار آزمون فقط برای آزمون‌هایی استفاده می‌شود که اختلاف بسامدی بین سیگنال‌های آزمون موردنظر و ناخواسته به نسبت بسامد واقعی، بسیار کوچک است، به گونه‌ای که اتلاف جفتگری برای سیگنال‌های آزمون موردنظر و ناخواسته‌ی داده‌شده به ماندافزار آزمون، مشابه است.

۲-۴-۱-۹ رویه‌های اندازه‌گیری با استفاده از ماندافزار آزمون

ماندافزار آزمون از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده برای فراهم ساختن سیگنال‌های ورودی آزمون مطلوب و ناخواسته به گیرنده در ماندافزار آزمون، به مولدهای سیگنال جفت می‌شود؛ بنابراین، لازم است که سطح خروجی سیگنال آزمون موردنظر از مولد سیگنال ایجاد شود تا سیگنالی در گیرنده (ماندافزار آزمون) حاصل نماید که مرتبط با حساسیت قابل‌استفاده‌ی متوسط (تابشی) مطابق با زیربند ۱-۲-۵ باشد.

سپس این سطح سیگنال خروجی از مولد سیگنال برای سیگنال آزمون مطلوب، برای تمامی اندازه‌گیری‌ها با استفاده از ماندافزار آزمون، مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

روش تعیین سطح خروجی آزمون از مولد سیگنال به صورت زیر است:

الف- حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین واقعی گیرنده مطابق با گام ۲-۱-۹ زیربند ۲-۱-۹ اندازه‌گیری و به عنوان شدت میدان بیان می‌شود؛

ب- اختلاف بین حد حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین مشخص شده در زیربند ۱-۲-۵ و این حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین واقعی، برحسب dB، ثبت می‌شود.

پ- سپس گیرنده در ماندافزار آزمون سوار می‌شود (نصب می‌شود)؛

مولد سیگنال تولیدکننده‌ی سیگنال ورودی موردنظر، از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به ماندافزار آزمون جفت می‌شود. تمامی درگاه‌های ورودی دیگر شبکه‌ی ترکیب‌کننده به بار 50Ω ختم می‌شوند.

خروجی مولد سیگنال با مدوله‌سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۱-۷ مراجعه شود) به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ به دست آید (به گام ج زیربند ۲-۱-۹ مراجعه شود). سپس این سطح خروجی به وسیله‌ی یک مقدار برابر با اختلاف بیان شده برحسب dB که در گام ب زیربند ۲-۴-۱-۹ محاسبه شده، افزایش داده می‌شود.

سطح خروجی مولد سیگنال الف به عنوان سطحی معادل با حد حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین برای رده تجهیزات استفاده‌شده و بیان شده به عنوان شدت میدان (به زیربند ۱-۲-۵ مراجعه شود)، تعریف می‌شود.

۳-۴-۱-۹ رویه‌های اندازه‌گیری با استفاده از محل آزمون

زمانی که اندازه‌گیری‌ها روی محل آزمون انجام می‌شود، سیگنال‌های موردنظر و ناخواسته باید برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ و در محل تجهیزات تحت آزمون کالیبره شوند.

برای اندازه‌گیری‌های مطابق با زیربندهای ۴-۹، ۶-۹ و پیوست الف، ارتفاع آنتن آزمون و جهت (زاویه) تجهیزات تحت آزمون باید در گام د زیربند ۹-۱-۲ ثبت شود (جهت مرجع).

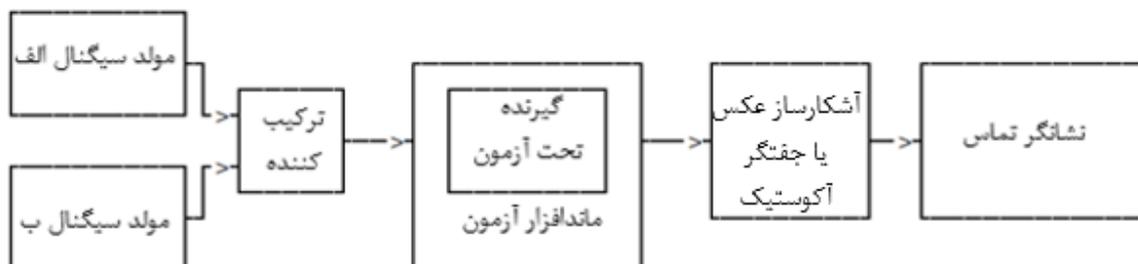
۲-۹ رد هم-کانال

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی به اندازه‌گیری مجدد نیست.

۱-۲-۹ تعریف

معیار قابلیت گیرنده در دریافت یک سیگنال مدوله‌شده مورد نظر می‌باشد. بدون آنکه کاهش کارایی ناشی از حضور سیگنال مدوله‌شده ناخواسته که بسامدش برابر با بسامد نامی فرستنده است از مقدار مفروض بیشتر شود.

۲-۲-۹ روش اندازه‌گیری



شکل ۱۲- چیدمان اندازه‌گیری

الف - گیرنده باید در ماندافزار آزمون قرار گیرد.

دو مولد سیگنال الف و ب باید از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به ماندافزار آزمون متصل باشند. سیگنال مورد نظر، بیان‌شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله‌سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.

سیگنال ناخواسته، نشان داده‌شده با مولد سیگنال الف، باید با سیگنال A-M3 (زیربند ۷-۱) مدوله شود. هر دو سیگنال ورودی باید در بسامد نامی گیرنده‌ی تحت آزمون قرار داشته باشند.

ب - در ابتدا، سیگنال ناخواسته باید غیرفعال (خاموش) باشد (حفظ امپدانس خروجی آن).

سطح سیگنال موردنظر از مولد سیگنال الف باید به سطحی تنظیم شود که به اندازه‌ی ۳ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده شده، بیان شده به عنوان شدت میدان باشد (زیربندهای ۱-۲-۵ و ۱-۹-۴).

پ- سپس سیگنال ناخواسته از مولد سیگنال ب باید فعال (روشن) شود و سطح آن باید تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق کمتر از ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود.

ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید به طور مکرر ارسال شود در حالی که در هر مورد مشاهده شود که پاسخ موفق به دست می آید یا خیر.

سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۲ dB برای هر موردی که در آن پاسخ موفق به دست نیامده است، کاهش یابد.

این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ متوالی مشاهده شود، ادامه یابد.

سپس سطح سیگنال ورودی باید یادداشت شود.

ث- سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و این مقدار جدید یادداشت شود.

سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به دست نیاید، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB کاهش یابد و مقدار جدید یادداشت شود.

اگر یک پاسخ موفق به دست آید، سطح سیگنال ناخواسته نباید تا زمان مشاهده‌ی سه پاسخ موفق متوالی تغییر داده شود.

در این حالت، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و مقدار جدید یادداشت شود. تا قبل از تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنال ناخواسته‌ای نباید یادداشت شود. میانگین مقادیر یادداشت شده در گام‌های د و ه (که سطح مربوط به نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ را فراهم می کنند) باید ثبت شوند.

ج- برای هر بسامدی از سیگنال ناخواسته، نسبت رد هم-کانال باید به عنوان نسبت سطح میانگین ثبت شده در گام ث به سطح سیگنال مطلوب، بر حسب dB بیان شود.

چ- اندازه‌گیری‌ها باید برای جابجایی‌های سیگنال ناخواسته از ۱۲٪ \pm جداسازی کانال تکرار شوند.

ح- نسبت رد هم-کانال تجهیزات تحت آزمون باید به عنوان کمترین مقدار از سه مقدار ثبت شده در گام و بر حسب dB بیان شود.

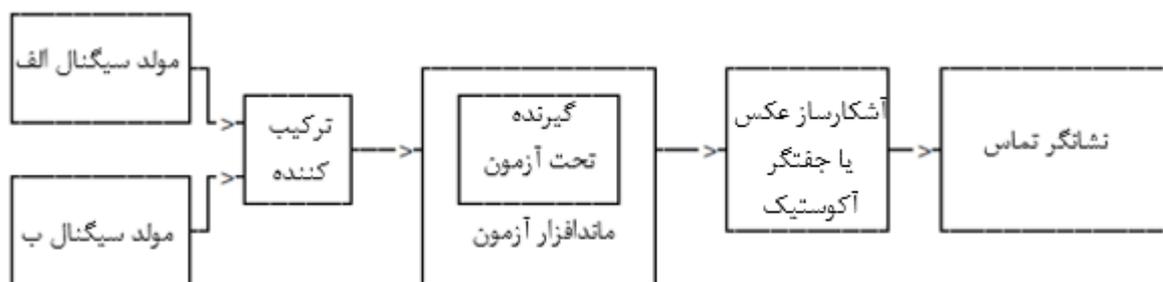
۳-۹ انتخاب کانال مجاور

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی به اندازه‌گیری مجدد نیست.

۱-۳-۹ تعریف

معیار قابلیت گیرنده در دریافت یک سیگنال مدوله‌شده مورد نظر بدون آنکه کاهش کارایی ناشی از حضور سیگنال ناخواسته که بسامدش به اندازه یک جداسازی کانال مجاور با بسامد سیگنال مورد نظر فاصله دارد، از مقدار مفروض بیشتر شود.

۲-۳-۹ روش اندازه‌گیری



شکل ۱۳- چیدمان اندازه‌گیری

الف- گیرنده باید در ماندافزار آزمون قرار گیرد.

دو مولد سیگنال الف و ب باید از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به ماندافزار آزمون متصل باشند. سیگنال مورد نظر، بیان شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله‌سازی عادی آزمون D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.

سیگنال ناخواسته، بیان شده با مولد سیگنال ب، باید با سیگنال A-M3 (زیربند ۷-۱) مدوله شود و باید در بسامد کانالی که فوراً در بالای کانال سیگنال مورد نظر است، قرار داشته باشند.

ب- در ابتدا، سیگنال ناخواسته باید غیرفعال (خاموش) باشد (حفظ امپدانس خروجی آن).

سطح سیگنال مورد نظر از مولد سیگنال الف باید روی سطحی تنظیم شود که به اندازه‌ی ۳ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده شده، بیان شده به عنوان شدت میدان باشد (زیربندهای ۵-۲-۱ و ۹-۱-۴).

پ- سپس سیگنال ناخواسته از مولد سیگنال ب باید فعال (روشن) شود و سطح آن باید تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق کمتر از ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود.

- ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید به‌طور مکرر ارسال شود در حالی که در هر مورد مشاهده شود که پاسخ موفق به‌دست می‌آید یا خیر.
- سطح سیگنال ناخواسته باید به‌اندازه‌ی ۲ dB برای هر موردی که در آن پاسخ موفق به‌دست نمی‌آید، کاهش یابد.
- این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ موفق متوالی مشاهده شود، ادامه یابد. سپس سطح سیگنال ورودی باید یادداشت شود.
- ث- سطح سیگنال ناخواسته باید به‌اندازه‌ی ۱ dB افزایش یابد و این مقدار جدید یادداشت شود.
- سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به‌دست نیاید، سطح سیگنال ناخواسته باید به‌اندازه‌ی ۱ dB کاهش یابد و مقدار جدید یادداشت شود.
- اگر یک پاسخ موفق به‌دست آید، سطح سیگنال ناخواسته نباید تا زمانی که سه پاسخ موفق متوالی به‌دست آید، تغییر داده شود. در این حالت، سطح سیگنال ناخواسته باید به‌اندازه‌ی ۱ dB افزایش یابد و مقدار جدید یادداشت شود.
- تا قبل از یک تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنال ناخواسته‌ای نباید یادداشت شود.
- متوسط مقادیر ثبت‌شده در گام‌های ت و ث (که سطح متناظر با پاسخ موفق ۸۰٪ را فراهم می‌کنند) باید ثبت شوند.
- ج- برای هر کانال مجاور، انتخاب باید به‌عنوان نسبت سطح متوسط ثبت‌شده در گام ث به سطح سیگنال موردنظر، برحسب dB بیان شود.
- سپس باید به‌شدت میدان‌های سیگنال‌های ناخواسته در محل گیرنده تبدیل‌شده و برحسب dB μ V/m بیان شود.
- چ- اندازه‌گیری‌ها باید با سیگنال ناخواسته، در بسامد کانال پایین سیگنال مورد نظر تکرار شوند.
- ح- انتخاب کانال مجاور تجهیزات تحت آزمون باید به‌عنوان کمترین مقدار از دو مقدار به‌دست‌آمده در نزدیک‌ترین کانال‌های بالا و پایین به کانال گیرنده بیان شود.
- خ- اندازه‌گیری‌ها باید تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه (زیربندهای ۱-۴-۶ و ۲-۴-۶ به‌طور هم‌زمان اعمال شوند)، با سطح سیگنال موردنظر تنظیم‌شده به سطحی که ۶ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده‌شده، انجام شود که به‌عنوان شدت میدان (به زیربندهای ۱-۲-۵ و ۱-۹-۴ مراجعه شود) بیان شده است.

۴-۹ رد پاسخ زائد

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی نیست این اندازه‌گیری مجدد انجام شود.

پاسخ‌های زائد ممکن است در طیف بسامدی در تمامی بسامدها اتفاق بیفتد و الزامات این استاندارد باید برای تمامی بسامدها برآورده شود. اگرچه، بنا به دلایل عملی، اندازه‌گیری‌های آزمون نوعی باید همان‌طور انجام شوند که در این استاندارد مشخص شده است، به‌طور خاص‌تر، این روش اندازه‌گیری برای اخذ تمامی پاسخ‌های زائد طراحی نشده است اما آن دسته از پاسخ‌ها که با احتمال بالایی وجود خواهند داشت را انتخاب می‌کند. اگرچه، در یک گستره بسامدی محدود نزدیک به بسامد نامی گیرنده، تعیین احتمال یک پاسخ زائد غیرممکن در نظر گرفته شده است و بنابراین باید یک جستجو بر بستر این گستره بسامدی محدود انجام شود. این روش، درجه‌ی بالایی از اطمینان را برای این امر فراهم می‌کند که تجهیزات در بسامدهایی که اندازه‌گیری نمی‌شوند، نیز الزامات را برآورده می‌کنند.

۱-۴-۹ تعریف

معیار قابلیت گیرنده در دریافت یک سیگنال مدوله‌شده مورد نظر بدون آنکه کاهش کارایی ناشی از حضور سیگنال مدوله‌شده ناخواسته در هر بسامد دیگری که در آن پاسخی به‌دست آمده هست، از مقدار مفروض بیشتر شود.

۲-۴-۹ مقدمه‌ای روش اندازه‌گیری

برای تعیین بسامدهایی که می‌تواند در آن‌ها پاسخ‌های زائد اتفاق بیفتد، محاسبات زیر باید انجام شود:

الف- محاسبه‌ی «گستره بسامدی محدود»:

گستره بسامدی محدود برابر است با بسامد سیگنال نوسان‌ساز محلی (f_{lo}) که به مخلوط‌کننده^۱ اول گیرنده بعلاوه یا منهای مجموع بسامدهای میانی ($f_{i1} \dots f_{im}$) و نصف گستره سودهی (sr) گیرنده اعمال می‌شود، بند ۴.

بنابراین بسامد f_l گستره بسامدی محدود برابر است با:

$$f_{lo} - \sum_{i=1}^{i=n} f_i - \frac{sr}{2} \leq f_l \leq f_{lo} + \sum_{i=1}^{i=n} f_i + \frac{sr}{2}$$

ب- محاسبه‌ی بسامدهای خارج از گستره بسامدی محدود:

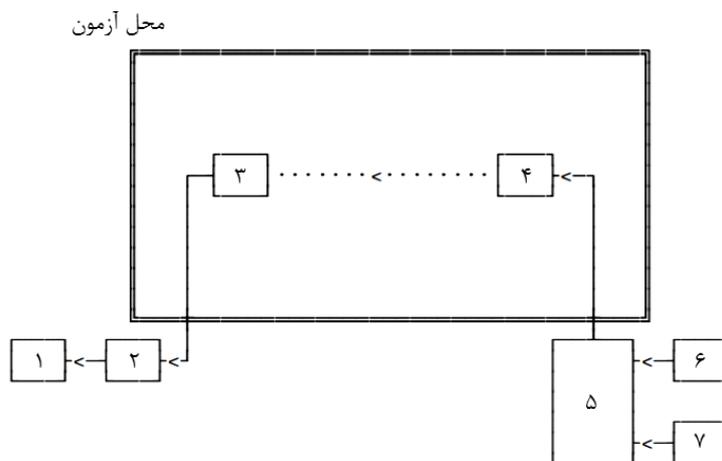
محاسبه‌ی بسامدهایی که در آن‌ها پاسخ زائد می‌تواند خارج از گستره مشخص شده در الف رخ دهد، برای باقی گستره بسامدی، به‌طور مناسب و مطابق با گام ۳-۴-۹، انجام می‌شود. بسامدهای خارج از گستره بسامدی محدود برابر با هارمونیک‌های بسامدی سیگنال نوسان‌ساز محلی هستند. (f_{10}) که به مخلوط کننده‌ی اول گیرنده به‌علاوه یا منهای بسامد میانی اول (f_{i1}) گیرنده به‌کار می‌رود. بنابراین:

- بسامدهای این پاسخ‌های زائد، $nf_{10} \pm f_{i1}$ هستند؛
- که در آن n یک عدد صحیح بزرگ‌تر از ۲ مساوی است.

اندازه‌گیری اولین پاسخ تصویر گیرنده باید در ابتدا برای صحت سنجی محاسبات بسامدهای پاسخ زائد، انجام شود.

برای محاسبات الف و ب در بالا، تولیدکننده باید بسامد گیرنده، بسامد سیگنال نوسان‌ساز محلی (f_{10}) که به مخلوط کننده‌ی اول گیرنده اعمال شده، بسامدهای میانی (f_{i1} و f_{i2} و غیره) و گستره سودهی (SR) گیرنده را بیان کرده باشد.

۳-۴-۹ چیدمان اندازه‌گیری



راهنما:

- ۱ نشانگر تماس
- ۲ جفتگر آکوستیک/آشکارساز عکس
- ۳ گیرنده‌ی تحت آزمون
- ۴ آنتن آزمون پهن‌بند
- ۵ شبکه‌ی ترکیب‌کننده (استفاده شده در زمان استفاده از تنها یک آنتن)
- ۶ مولد سیگنال الف
- ۷ مولد سیگنال ب
- ۸ آنتن آزمون برای سیگنال مورد نظر (به زیربند ۳-۴-۹ گام ۳)

شکل ۱۴- چیدمان اندازه‌گیری

- الف- یک محل آزمون مانند آنچه در اندازه‌گیری حساسیت قابل‌استفاده‌ی متوسط می‌باشد، باید مورد استفاده قرار گیرد (به زیربند ۹-۱ مراجعه شود).
- ب- ارتفاع آنتن آزمون پهن باند و جهت (زاویه) تجهیزات تحت آزمون باید مطابق با زیربند ۹-۱-۴ قرار داده شود.
- پ- در طول اندازه‌گیری، ممکن است که تابش توان‌های بالا در گستره وسیعی از بسامد لازم باشد و در این صورت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از سیگنال‌هایی انجام شود که برای خدمات موجود که ممکن است در حال عمل کردن در همسایگی باشند، ایجاد اختلال نمایند.
- ت- در حضور یک صفحه‌ی زمین بازتاب‌دهنده، ارتفاع آنتن آزمون پهن باند باید برای بهینه کردن بازتاب‌ها از صفحه‌ی زمین، تغییر داده شود. این کار را نمی‌توان به‌طور هم‌زمان برای دو بسامد متفاوت انجام داد.
- اگر از قطبش عمودی استفاده شده باشد، بازتاب کف زمین را می‌توان با استفاده از یک تک قطبی مناسب قرار گرفته به‌طور مستقیم روی صفحه‌ی زمین (آنتن rod)، به‌طور مؤثر خنثی کرد.
- ث- در حالتی که آنتن آزمون پهن باند گستره بسامدی لازم را پوشش نمی‌دهد، برای جایگزین، می‌توان از دو آنتن متفاوت و با عدم جفت‌گری کافی استفاده کرد.
- ج- تجهیزات تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود (به پیوست الف مراجعه شود) و در جهت مرجع مطابق با زیربندهای ۹-۱-۲ و ۹-۱-۴، روی تکیه‌گاه قرار بگیرد.

۹-۴-۴ روش جستجو

- الف- دو مولد سیگنال الف و ب باید از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به آنتن آزمون پهن باند، یا در صورت نیاز، برای جایگزین، به دو آنتن متفاوت مطابق با گام ث زیربند ۹-۴-۳ متصل باشند.
- سیگنال مطلوب، نشان داده شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله‌سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.
- سیگنال ناخواسته، بیان شده با مولد سیگنال ب، باید با بسامد ۴۰۰ Hz و انحراف ± 5 kHz مدوله شود.
- ب- در ابتدا، سیگنال ناخواسته باید خاموش باشد.
- سطح سیگنال موردنظر از مولد سیگنال الف باید به مقداری تنظیم شود که به‌اندازه‌ی ۳ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده‌شده، بیان شده به‌عنوان شدت میدان و با استفاده از کالیبراسیون در رویه‌ی گام ت زیربند ۹-۱-۴-۲ است (زیربندهای ۵-۲-۱ و ۹-۱-۴).

- پ- سپس سیگنال ناخواسته باید روشن شود و سطح آن به مقداری تنظیم شود که یک شدت میدان به اندازه‌ی دست کم ۱۰ dB بالای از حد رد پاسخ زائد (به زیربند ۵-۴-۲ مراجعه شود) اندازه‌گیری شده در محل گیرنده، فراهم کند، حتی روی انواع محل‌های آزمونی که سطح سیگنال ناخواسته به دلیلی بازتاب‌های زمین، با بسامد به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.
- بسامد سیگنال ناخواسته باید با افزایش‌هایی به اندازه‌ی ۱۰ kHz بر بستر گستره بسامدی محدود و مطابق با محاسبات خارج از این گستره بسامدی (به گام ب زیربند ۹-۴-۲ مراجعه شود) تغییر نماید.
- ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید درحالی که پاسخ‌ها مشاهده می‌شوند، به‌طور مکرر ارسال شود.
- ث- اگر نسبت پاسخ موفق از ۸۰٪ بالاتر بود، آنگاه هیچ اثر پاسخ زائدی آشکارنشده و اندازه‌گیری‌ها باید تا افزایش بعدی بسامد ادامه یابند.
- ج- اگر نتوان به سه پاسخ موفق متوالی دست‌یافت، آنگاه سطح سیگنال ناخواسته باید در گام‌هایی به اندازه‌ی ۱ dB کاهش‌یافته تا وقتی که سه پاسخ موفق متوالی حاصل شود.
- چ- در حالتی که از یک زمین بازتاب‌دهنده استفاده‌شده است، در هر تغییر از سطح سیگنال ناخواسته، ارتفاع آنتن نیز باید تغییر کند تا وقتی که سه پاسخ موفق متوالی حاصل شود.
- اگر از محل آزمون طبق زیربند الف-۱-۱ استفاده‌شده یا اگر بازتاب کف زمین را بتوان به‌طور مؤثر حذف کرد (به گام ت زیربند ۹-۴-۳ مراجعه شود)، آنگاه نیازی نیست آنتن آزمون بالا یا پایین برده شود.
- ح- بسامد هر پاسخ زائد آشکارشده در طول جستجو، موقعیت آنتن و ارتفاع آن باید برای استفاده در اندازه‌گیری‌ها مطابق با زیربند ۹-۴-۵، ثبت شود.

۵-۴-۹ روش اندازه‌گیری

- در هر بسامدی که یک پاسخ زائد پیدا شود، درون یا بیرون گستره بسامدی محدود، اندازه‌گیری باید طبق زیر انجام شود:
- الف- چیدمان اندازه‌گیری مانند گام‌های الف و چ زیربند ۹-۴-۴ است.
- سیگنال مطلوب، بیان‌شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله‌سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.
- سیگنال ناخواسته، بیان‌شده با مولد سیگنال ب، باید با بسامد ۴۰۰ Hz و انحراف ۱۲٪ جداسازی کانال مدوله شود (A-M3).
- ب- در ابتدا، سیگنال ناخواسته باید خاموش باشد.

سطح سیگنال موردنظر از مولد سیگنال الف، باید به مقداری تنظیم شود که به اندازه‌ی ۳ dB بالای حد حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین (به زیربند ۵-۲-۱ مراجعه شود)، برای رده تجهیزات استفاده‌شده (به زیربند ۹-۱-۴ مراجعه شود)، بیان شده به عنوان شدت میدان در زمان اندازه‌گیری در محل گیرنده باشد.

پ- سپس سیگنال ناخواسته از مولد سیگنال ب باید روشن شود و سطح آن باید تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق کمتر از ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود.

ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید به‌طور مکرر ارسال شود درحالی‌که در هر مورد مشاهده شود که پاسخ موفق به دست می‌آید یا خیر.

سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۲ dB برای هر موردی که در آن پاسخ موفق به دست نمی‌آید، کاهش یابد.

این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ متوالی مشاهده شود، ادامه یابد.

سطح سیگنال ورودی باید یادداشت شود.

ث- سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و این مقدار جدید نیز یادداشت شود.

سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به دست نیاید، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB کاهش یافته و مقدار جدید یادداشت شود.

اگر یک پاسخ موفق به دست آید، سطح سیگنال ناخواسته نباید تا زمان به دست آوردن سه پاسخ موفق متوالی تغییر داده شود.

در این حالت، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و مقدار جدید یادداشت شود. تا قبل از یک تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنال ناخواسته‌ای نباید یادداشت شود.

میانگین مقادیر یادداشت شده در گام‌های ت و ث (که سطح متناظر با نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ را فراهم می‌کنند) باید ثبت شوند.

ج- سیگنال ناخواسته باید با افزایش‌هایی به اندازه‌ی ۲۰٪ جداسازی کانال اضافه و کم شود و گام‌های ت و ث باید تا زمانی که پایین‌ترین سطح متوسط ثبت شده در گام ث به دست آید، تکرار شوند.

برای هر بسامد، رد پاسخ زائد باید به عنوان یک سطح از شدت میدان سیگنال ناخواسته در محل گیرنده برحسب dB μ V/m و مربوط به کمترین مقدار ثبت شده در طول این گام بیان شود.

چ- اندازه‌گیری باید برای تمام بسامدهای پاسخ زائد پیدا شده در طول جستجو بر بستر گستره بسامدی محدود، زیربند ۹-۴-۲ و بسامدهای محاسبه شده برای باقی بسامدهای پاسخ زائد در گستره بسامدی

گیرنده با موقعیت و ارتفاع آنتن یادداشت شده در زیربند ۹-۱-۲ گام ت است.

ح- رد پاسخ زائد تجهیزات تحت آزمون باید به عنوان یک سطح از شدت میدان سیگنال ناخواسته در محل گیرنده برحسب dB μ V/m و مربوط به کمترین مقدار ثبت شده در طول گام ج بیان شود.

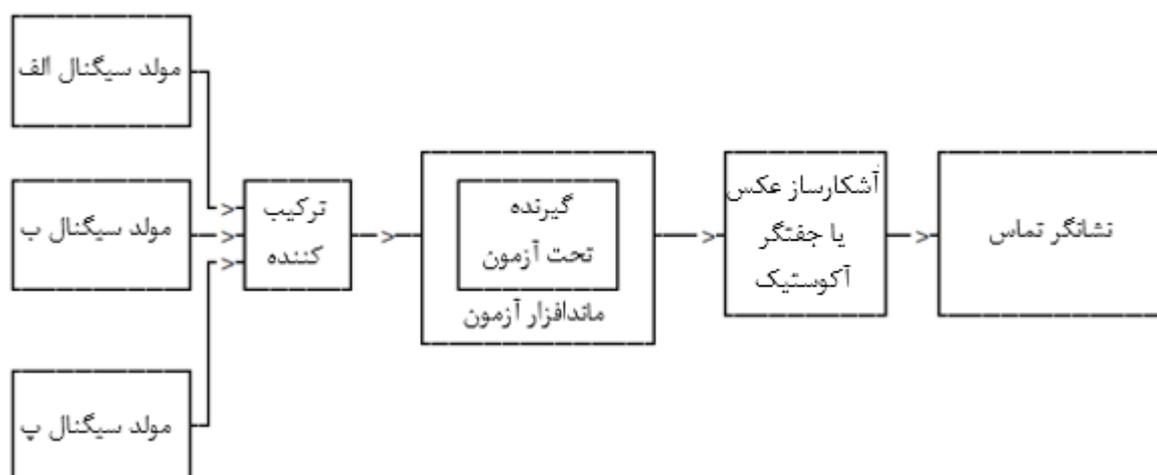
۹-۵ رد پاسخ مدوله سازی متقابل

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه گیری شده باشد، نیازی به اندازه گیری مجدد نیست.

۹-۵-۱ تعریف

رد پاسخ مدوله سازی متقابل، معیاری برای قابلیت گیرنده برای دریافت یک سیگنال مدوله شده ی مطلوب بدون تجاوز از یک افت داده شده به دلیل حضور دو یا چند سیگنال ناخواسته با یک رابطه ی بسامدی مشخص با بسامد سیگنال موردنظر است.

۹-۵-۲ روش اندازه گیری



شکل ۱۵- چیدمان اندازه گیری

الف- گیرنده باید در ماندافزار آزمون قرار گیرد (به بند الف-۵ مراجعه شود).

سه مولد سیگنال الف، ب و پ باید از طریق یک شبکه ی ترکیب کننده به ماندافزار آزمون متصل باشند.

سیگنال مطلوب، نشان داده شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.

سیگنال ناخواسته‌ی اول، نشان داده شده با مولد سیگنال ب، باید یک سیگنال مدوله نشده و با بسامدی به اندازه‌ی ۵۰ kHz بالاتر از بسامد نامی گیرنده باشد.

سیگنال ناخواسته‌ی دوم، نشان داده شده با مولد سیگنال C، باید با سیگنال A-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) مدوله شده و در بسامدی به اندازه‌ی ۱۰۰ kHz بالاتر از بسامد نامی گیرنده باشد.

ب- در ابتدا، سیگنال‌های ناخواسته باید خاموش باشند.

سطح سیگنال موردنظر از مولد سیگنال الف باید به مقداری تنظیم شود که به اندازه‌ی ۳ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل استفاده‌ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده شده، بیان شده به عنوان شدت میدان، باشد (زیربندهای ۵-۲-۱ و ۹-۱-۴).

پ- سپس دو سیگنال ناخواسته از مولدهای سیگنال ب و پ باید روشن شوند. سطوح آن‌ها باید باهم برابر نگه داشته شده و تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق کمتر از ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود (به گام ۳-۲-۹ مراجعه شود).

ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید به طور مکرر ارسال شود در حالی که در هر مورد مشاهده شود که پاسخ موفق به دست می‌آید یا خیر.

سطوح سیگنال‌های ناخواسته باید به اندازه‌ی ۲ dB برای هر موردی که در آن پاسخ موفق به دست نیامده است، کاهش یابد.

این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ موفق متوالی مشاهده شود، ادامه یابد. سطح سیگنال ورودی باید یادداشت شود.

ث- سطح سیگنال‌های ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و این مقدار جدید نیز یادداشت شود. سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به دست نیاید، سطح سیگنال‌های ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB کاهش یافته و مقدار جدید یادداشت شود. اگر یک پاسخ موفق به دست آید، سطح ورودی سیگنال‌های ناخواسته نباید تا زمان مشاهده‌ی سه پاسخ موفق متوالی، تغییر داده شود.

در این حالت، سطح سیگنال‌های ناخواسته باید به اندازه‌ی ۱ dB افزایش یافته و مقدار جدید یادداشت شود.

تا قبل از یک تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنال ناخواسته‌ای نباید یادداشت شود.

میانگین مقادیر ثبت شده در گام‌های ت و ث (که سطح متناظر با نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ را فراهم می‌کنند) باید ثبت شوند.

ج- برای هر پیکربندی سیگنال‌های ناخواسته، رد پاسخ مدوله‌سازی متقابل باید به عنوان نسبت سطح میانگین ثبت شده در گام ث به سطح سیگنال موردنظر بر حسب dB بیان شود.

سپس باید به شدت‌های میدان سیگنال‌های ناخواسته در محل گیرنده تبدیل شده و برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ بیان شود.

چ- اندازه‌گیری‌ها باید با مولد سیگنال ناخواسته ب با بسامد 50 kHz پایین سیگنال موردنظر و سیگنال ناخواسته‌ی مولد پ با بسامد 100 kHz پایین سیگنال موردنظر تکرار شود.

ح- رد پاسخ مدوله‌سازی متقابل تجهیزات تحت آزمون باید به‌عنوان کمترین از دو مقدار محاسبه‌شده در گام ج بیان شود.

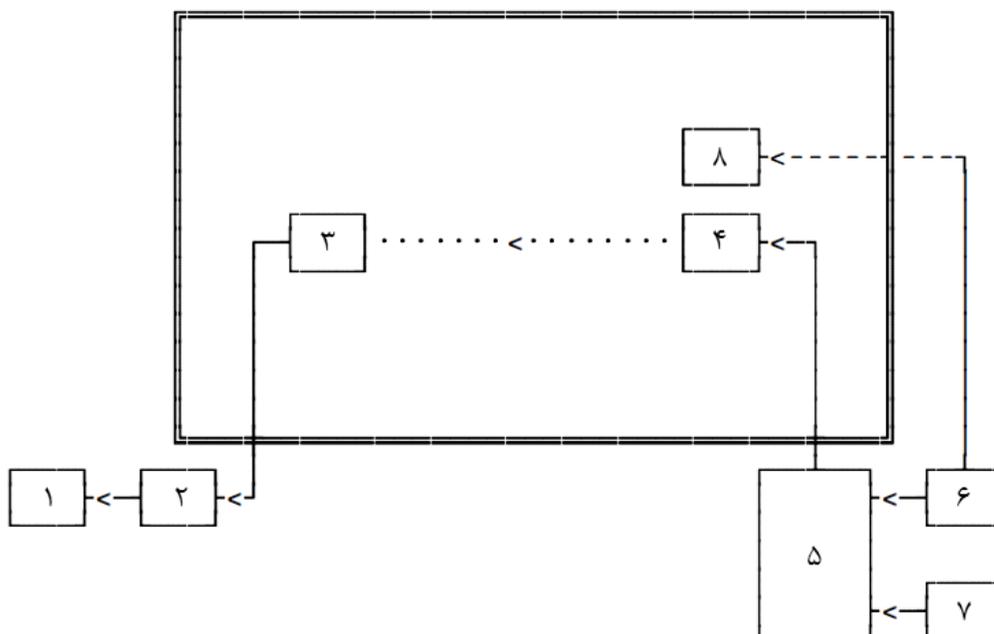
۹-۶ مسدودسازی یا حساسیت‌زدایی

اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 7-2) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی به اندازه‌گیری مجدد نیست.

۹-۶-۱ تعریف

معیاری برای قابلیت گیرنده برای دریافت یک سیگنال مدوله‌شده‌ی مطلوب بدون فراتر رفتن از یک افت داده‌شده به دلیل حضور یک سیگنال ناخواسته در هر بسامدی به‌جز بسامدهای پاسخ‌های زائد یا کانال‌های مجاور است.

محل آزمون



راهنما:

- | | |
|---|----------------------------|
| ۱ | نشانگر تماس |
| ۲ | جفتگر آکوستیک/آشکارساز عکس |
| ۳ | گیرنده تحت آزمون |
| ۴ | آنتن آزمون پهن‌بند |
| ۵ | شبکه‌ی ترکیب‌کننده |
| ۶ | مولد سیگنال الف |
| ۷ | مولد سیگنال ب |

شکل ۱۶- چیدمان اندازه‌گیری

محل آزمون مانند آنچه در اندازه‌گیری حساسیت قابل‌استفاده‌ی میانگین استفاده شد، باید مورد استفاده قرار گیرد (به زیربند ۹-۱ مراجعه شود).

تجهیزات تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود (به پیوست الف مراجعه شود) و در جهت مرجع (به گام ۹-۱-۲ مراجعه شود) روی تکیه‌گاه قرار داده شده و اندازه‌گیری‌ها باید به صورت زیر انجام شود.

الف- دو مولد سیگنال الف و ب باید از طریق یک شبکه‌ی ترکیب‌کننده به آنتن آزمون پهن‌بند متصل باشند.

سیگنال موردنظر، بیان شده با مولد سیگنال الف، باید در بسامد نامی گیرنده باشد و مدوله‌سازی آزمون عادی D-M3 (به زیربند ۷-۱ مراجعه شود) را داشته باشد.

سیگنال ناخواسته، فراهم شده بوسیله ی مولد سیگنال ب، باید مدوله نشده و در بسامدی به اندازه ی ۱ MHz تا ۱۰ MHz دور از بسامد نامی گیرنده باشد.

بنا به دلایل عملی، اندازه گیری ها باید در بسامدهای سیگنال ناخواسته ی تقریباً ± 1 ، ± 2 ، ± 5 و ± 10 مگاهرتز برای جلوگیری از بسامدهایی که در آنها پاسخ های زائد اتفاق می افتد (به زیربند ۹-۴ مراجعه شود)، انجام بگیرد.

ب- در ابتدا، سیگنال ناخواسته باید خاموش باشد.

سطح سیگنال مورد نظر از مولد سیگنال الف باید به مقداری تنظیم شود که به اندازه ی ۳ dB بالای سطح معادل حد حساسیت قابل استفاده ی میانگین، برای رده تجهیزات استفاده شده، بیان شده به عنوان شدت میدان باشد (زیربندهای ۵-۲-۱ و ۹-۱-۴).

پ- سپس سیگنال ناخواسته ب باید روشن شود و سطح آن باید تا زمانی که یک نسبت پاسخ موفق کمتر از ۱۰٪ به دست آید، تنظیم شود.

ت- سیگنال آزمون عادی D-M3 باید به طور مکرر ارسال شود در حالی که در هر مورد مشاهده شود که پاسخ موفق به دست می آید یا خیر.

سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه ی ۲ dB برای هر موردی که در آن پاسخ موفق به دست نیامده است، کاهش یابد.

این رویه باید تا زمانی که سه پاسخ متوالی مشاهده شود، ادامه یابد.

سطح سیگنال ورودی باید یادداشت شود.

ث- سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه ی ۱ dB افزایش یافته و این مقدار جدید نیز یادداشت شود.

سپس سیگنال آزمون عادی D-M3 باید ۲۰ بار ارسال شود. در هر بار ارسال، اگر یک پاسخ به دست نیاید، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه ی ۱ dB کاهش یافته و مقدار جدید یادداشت شود.

اگر یک پاسخ موفق به دست آید، سطح سیگنال ناخواسته نباید تا زمان به دست آمدن سه پاسخ موفق متوالی، تغییر داده شود.

در این حالت، سطح سیگنال ناخواسته باید به اندازه ی ۱ dB افزایش یافته و مقدار جدید یادداشت شود. تا قبل از یک تغییر در سطح، هیچ سطح سیگنال ناخواسته ای نباید یادداشت شود.

میانگین مقادیر یادداشت شده در گام های ت و ث (که سطح مربوط به نسبت پاسخ موفق ۸۰٪ را فراهم می کنند) باید ثبت شوند.

ج- برای هر بسامد، مسدودسازی یا حساسیت زدایی باید به عنوان سطح شدت میدان سیگنال ناخواسته در محل گیرنده، مرتبط با مقدار میانگین ثبت شده در گام ث، بر حسب dB μ V/m بیان شود.

- چ- اندازه‌گیری باید برای تمامی بسامدهای تعریف‌شده در گام الف تکرار شوند.
- ح- مسدودسازی یا حساسیت‌زدایی تجهیزات تحت آزمون باید به‌عنوان سطح شدت میدان سیگنال ناخواسته در محل گیرنده، مرتبط با کمترین مقدار ثبت‌شده در گام ج، برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ بیان شود.

۷-۹ تابش‌های زائد گیرنده

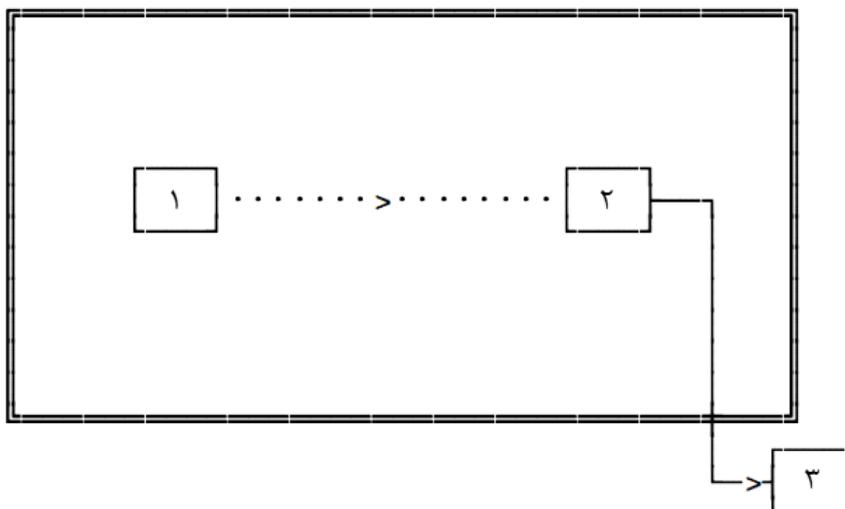
اگر این پارامتر قبلاً مطابق با الزامات استاندارد EN 300 296-1 (زیربند 2-7) اندازه‌گیری شده باشد، نیازی به اندازه‌گیری مجدد نیست.

۱-۷-۹ تعریف

تابش‌های زائد از گیرنده، اجزائی در هر بسامد تابش‌شده توسط تجهیزات و آنتن آن هستند. این‌ها به‌عنوان توان تابشی هر سیگنال گسسته‌ای مشخص می‌شوند.

۲-۷-۹ روش اندازه‌گیری

محل آزمون



یادآوری-

- ۱ گیرنده تحت آزمون
- ۲ آنتن جانشین
- ۳ تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی (گیرنده آزمون)

شکل ۱۷- چیدمان اندازه‌گیری

الف - محل آزمون که الزامات گستره بسامدی مشخص شده در این اندازه‌گیری را برآورده می‌کند، باید مورد استفاده قرار گیرد. آنتن آزمون باید برای قطبش عمودی جهت‌دهی شده و به تحلیلگر طیف یا یک ولت‌سنج با بسامد انتخابی متصل باشد. پهنای باند تفکیک‌پذیری تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی باید بین ۱۰ kHz تا ۱۲ kHz بوده و برابر مقداری مناسب برای انجام صحیح اندازه‌گیری تنظیم شود.

ب - گیرنده‌ی تحت آزمون باید در موقعیت استاندارد خود (به پیوست الف مراجعه شود) روی تکیه‌گاه قرار بگیرد. تابش هر جزء زائد باید توسط آنتن آزمون و تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی بر بستر گستره بسامدی ۳۰ MHz تا ۴ GHz، آشکار شود. علاوه، برای تجهیزاتی که در بسامدهای بالای ۴۷۰ MHz کار می‌کنند، اندازه‌گیری‌ها باید بر بستر گستره بسامدی ۴ GHz تا ۱۲٫۵ GHz نیز تکرار شود.

بسامد هر جزء زائد باید ثبت شود. اگر محل آزمون تحت تأثیر اختلال تابشی از بیرون باشد، این جستجوی کیفی می‌تواند در یک اتاق دارای صفحه‌ی نمایش با کاهش فاصله بین فرستنده و آنتن آزمون انجام شود.

پ - در هر بسامدی که یک جزء در آن آشکار شده است، تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی باید تنظیم شده و آنتن آزمون باید در گستره ارتفاعی مشخص شده بالا و پایین برده شود تا زمانی که سطح سیگنال بیشینه روی تحلیلگر طیف یا ولت‌سنج با بسامد انتخابی آشکار شود.

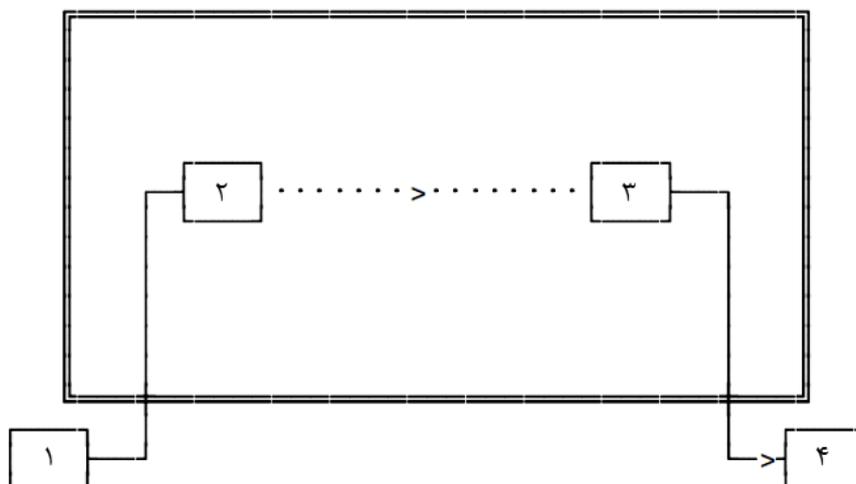
اگر اندازه‌گیری روی یک محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱ (به عبارت دیگر یک اتاقک بی‌پژواک) انجام شود، نیازی به بالا یا پایین بردن آنتن آزمون نیست.

ت - گیرنده باید به اندازه‌ی 360° حول محور عمودی چرخانده شده تا وقتی که سیگنال بیشینه‌ی بالاتری دریافت شود.

ث - آنتن آزمون باید در گستره ارتفاعی مشخص شده بالا یا پایین برده شود تا یک مقدار بیشینه به دست آید. این سطح باید ثبت شود.

اگر اندازه‌گیری روی یک محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱، (به عبارت دیگر یک اتاقک بی‌پژواک) انجام شود، نیازی به بالا یا پایین بردن آنتن آزمون نیست.

محل آزمون



راهنما:

- | | |
|---|---|
| ۱ | مولد سیگنال |
| ۲ | آنتن جانشین |
| ۳ | آنتن آزمون |
| ۴ | تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی (گیرنده آزمون) |

شکل ۱۸- چیدمان اندازه‌گیری

- ج- با استفاده از چیدمان اندازه‌گیری شکل ۱۸، آنتن جانشین باید به‌جای آنتن گیرنده در همان موقعیت و قطبش عمودی قرار گیرد. این آنتن باید به مولد سیگنال متصل باشد.
- چ- برای هر بسامدی که در آن جزء آشکار شده است، مولد سیگنال و تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی باید تنظیم شده و آنتن آزمون باید در گستره ارتفاعی مشخص شده بالا یا پایین برده شود تا زمانی که سطح سیگنال بیشینه روی تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی آشکار شود. اگر اندازه‌گیری روی یک محل آزمون مطابق با زیربند الف-۱-۱، انجام شود، نیازی به بالا یا پایین بردن آنتن آزمون نیست.
- سطح مولد سیگنال با دادن همان سطح سیگنال روی تحلیلگر طیف یا ولتسنج با بسامد انتخابی مشخص شده در گام ت، باید ثبت شود. این مقدار، بعد از اصلاح به دلیل بهره‌ی آنتن جانشین و اتلاف کابل بین مولد سیگنال و آنتن جانشین، برابر با جزء زائد تابشی در این بسامد است.
- ح- اندازه‌گیری‌های گام‌های ب تا چ در بالا باید با آنتن آزمون جهت‌دهی شده در قطبش افقی نیز تکرار شود.

۱۰ عدم قطعیت اندازه‌گیری

عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری مطلق: مقادیر بیشینه.

معتبر تا بسامد ۱ GHz برای پارامترهای RF مگر اینکه خلاف آن بیان شود.

بسامد RF	کوچکتر از 1×10^7
توان RF تابشی ± 7.5 dB	کوچکتر از ± 6 dB
تغییرات توان هدایتی RF با استفاده از ماندافزار آزمون	کوچکتر از ± 7.5 dB
بیشینه انحراف بسامد:	
بین ۳۰۰ Hz تا ۶ kHz از بسامد صوتی	کوچکتر از ± 5 %
بین ۶ kHz تا ۲۵ kHz از بسامد صوتی	کوچکتر از ± 3 %
محدودیت انحراف	کوچکتر از ± 5 %
توان کانال مجاور	کوچکتر از ± 5 dB
توان خروجی صوتی	کوچکتر از ± 0.5 dB
مشخصه‌های دامنه‌ی محدودکننده‌ی گیرنده	کوچکتر از ± 1.5 dB
حساسیت	کوچکتر از ± 3 dB
اندازه‌گیری دو سیگنال، معتبر تا ۴ GHz (با استفاده از ماندافزار آزمون)	کوچکتر از ± 4 dB
اندازه‌گیری‌های دو سیگنال با استفاده از میدان‌های تابشی (یادآوری ۱)	کوچکتر از ± 6 dB
اندازه‌گیری سه سیگنال (با استفاده از ماندافزار آزمون)	کوچکتر از ± 3 dB
گسیل تابشی فرستنده، معتبر تا ۱۲.۷۵ GHz	کوچکتر از ± 6 dB
گسیل تابشی گیرنده، معتبر تا ۱۲.۷۵ GHz	کوچکتر از ± 6 dB
زمان گذرای فرستنده	کوچکتر از ± 20 %
بسامد گذرای فرستنده	کوچکتر از ± 250 Hz

برای روش‌های آزمون، مطابق با این استاندارد، شکل‌های عدم قطعیت اندازه‌گیری باید مطابق با گزارش فنی TR 100 028 (زیربند ۲-۵) محاسبه شده و باید مرتبط با یک ضریب انبساط (ضریب پوشش) $k=1,96$ یا $k=2$ باشد (که به ترتیب سطوح قابل اطمینان 95% و $95,45\%$ در حالتی که اختلالات تعیین‌کننده‌ی عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری واقعی نرمال (گوسی) هستند را فراهم می‌کند).

مقادیر پیشینه‌ی عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری مطلق که در بالا داده شده، بر اساس چنین ضریب انبساط هستند.

ضریب انبساط خاص استفاده شده برای ارزیابی عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری باید بیان شود.

یادآوری ۱- برای اندازه‌گیری‌های رد پاسخ زائد و مسدود کردن.

پیوست الف

(الزامی)

اندازه‌گیری‌های تابشی

الف-۱ محل‌های آزمون و چیدمان عمومی برای اندازه‌گیری‌های شامل استفاده از میدان‌های تابشی

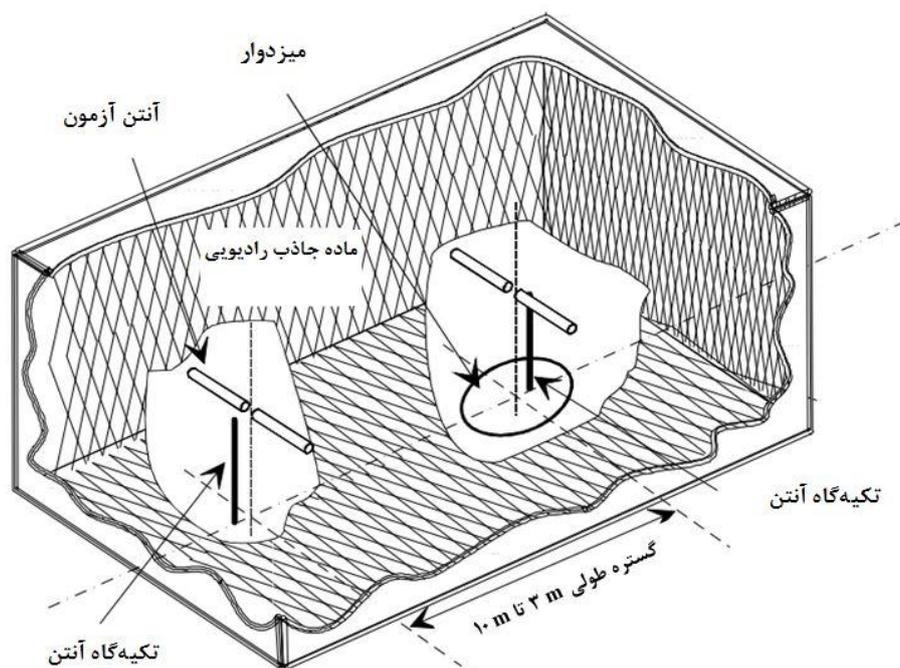
این پیوست سه محل آزمون در دسترس رایج، اتاقک بی‌پژواک، اتاقک بی‌پژواک با صفحه‌ی زمین و محل آزمون فضای باز (OATS) را معرفی می‌کند که ممکن است برای آزمون‌های تابشی مورداستفاده قرار گیرند. به‌طور کلی، این محل‌های آزمون به‌عنوان محل‌های آزمون میدان آزاد ارجاع داده می‌شوند. هم اندازه‌گیری‌های نسبی و هم مطلق می‌توانند در این محل‌ها انجام شوند. درجایی که اندازه‌گیری‌های مطلق انجام می‌شوند، توصیه می‌شود اتاقک، تصدیق^۱ شود. یک‌رویه مشروح تصدیق در قسمت‌های 2، 3 و 4 گزارش فنی TR 102 273 (زیربند 2-2-3) توضیح داده شده است.

یادآوری - به‌منظور تضمین تجدیدپذیری^۲ و قابلیت ردیابی^۳ اندازه‌گیری‌های تابشی بهتر است فقط این محل‌ها در اندازه‌گیری‌ها منطبق با این استاندارد، مورداستفاده قرار گیرد.

الف-۱-۱ اتاقک بی‌پژواک

اتاقک بی‌پژواک معمولاً محفظه‌ی حفاظ شده است که دیوارهای درونی، سقف و کف آن با مواد جاذب رادیویی پوشش داده شده است. این مواد عموماً از نوع فوم اورتان هرمی^۴ می‌باشد. این اتاقک معمولاً شامل یک تکیه‌گاه آنتن در یک انتها و یک میز دوار در انتهای دیگر است. یک اتاقک بی‌پژواک نوعی در شکل الف-۱ نشان داده شده است.

1- Verification
2- Reproducibility
3- Traceability
4- Pyramidal urethane foam



شکل الف-۱- اتاقک بی‌پژواک نوعی

محافظ اتاقک و ماده جاذب رادیویی با یکدیگر کار می‌کنند تا یک محیط واپایش‌شده برای انجام آزمون فراهم آورند. این نوع اتاقک آزمون تلاش می‌کند تا شرایط فضای آزاد را شبیه‌سازی کند.

شیلد کردن سطوح تداخل ناشی از سیگنال‌های محیطی و سایر اثرات بیرونی را کاهش می‌دهد، درحالی‌که ماده جاذب امواج رادیویی انعکاس‌های ناخواسته از دیوارها و سقف را که می‌تواند بر اندازه‌گیری‌ها اثر بگذارد، کمینه می‌کند. در عمل فراهم‌سازی سطوح بالای رد تداخل محیطی (۸۰ dB تا ۱۴۰ dB) به کمک استحفاظ نسبتاً ساده است. این امر به‌طور عادی تداخل محیطی را ناچیز می‌کند.

یک میز گردان^۱ قادر به چرخش 360° در صفحه افقی است و برای نگه‌داری نمونه آزمون (EUT) در یک ارتفاع مناسب (به‌طور مثال ۱ m) بالای سطح زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقک باید به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا اجازه فاصله‌گیری دست‌کم ۳ m یا $2(d_1+d_2)^2/\lambda$ (m) هر کدام که بزرگ‌تر است (به زیربند الف-۲-۵ مراجعه شود) را بدهد. فاصله مورد استفاده در اندازه‌گیری‌های واقعی باید با نتایج آزمون ثبت شود.

اتاقک بی‌پژواک عموماً چندین مزیت نسبت به سایر تاسیسات آزمون دارد. تداخل محیطی و انعکاس از کف، سقف و دیوار کمینه است و مستقل از آب‌وهوا هست. این اتاقک معایبی نیز دارد که شامل فاصله اندازه‌گیری

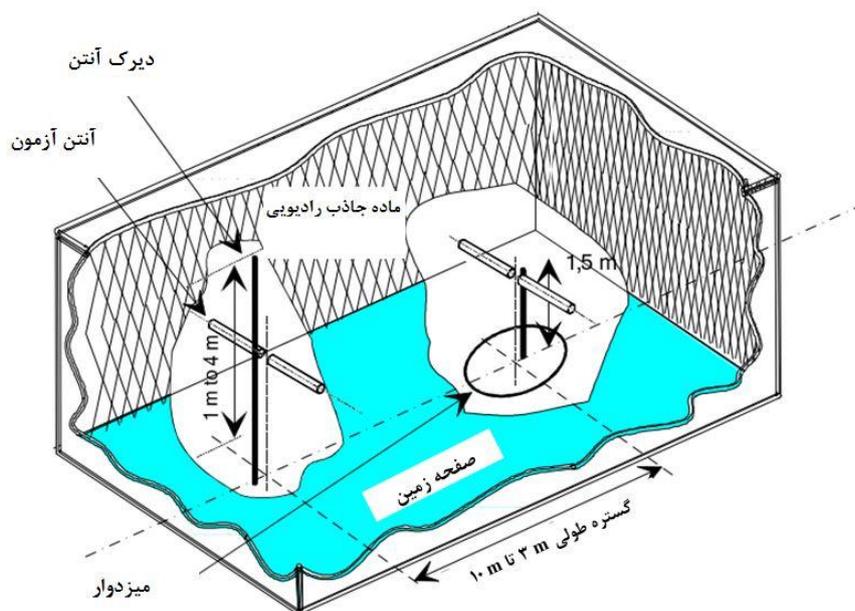
1- Turntable

محدود و بسامد پایین مورد استفاده محدود به دلیل اندازه جاذب‌های هرمی، است. به منظور بهبود عملکرد بسامد پایین معمولاً ساختاری ترکیبی از سفال‌های فریتی و جاذب‌های اسفنجی اورتان استفاده می‌شود. همه انواع آزمون‌های گسیل، حساسیت و مصونیت می‌تواند درون یک اتاقک بی‌پژواک بدون محدودیت انجام شوند.

الف-۱-۲ اتاقک بی‌پژواک با صفحه زمین رسانا

اتاقک بی‌پژواک با یک صفحه‌ی زمین رسانا، معمولاً محفظه‌ای است حفاظ‌شده که دیوارهای درونی و سقف آن با ماده جاذب رادیویی پوشش داده شده است. این ماده معمولاً از نوع فوم اورتان هرمی می‌باشد. کف فلزی اتاقک پوشیده نشده و صفحه زمین را تشکیل می‌دهد. معمولاً این اتاقک شامل یک دیرک آنتن^۱ در یک انتها و میز دوار در انتهای دیگر اتاقک است. یک اتاقک بی‌پژواک نوعی با صفحه‌ی زمین رسانا در شکل الف-۲ نشان داده شده است.

این نوع اتاقک آزمون کمک می‌کند تا یک محل آزمون فضای باز آرمانی را شبیه‌سازی کند که مشخصه اصلی آن یک صفحه‌ی زمین کاملاً رسانا با گستردگی نامحدود است.



شکل الف-۲- اتاقک پژواک نوعی با سطح زمین رسانا

صفحه‌ی زمین در این تاسیسات، مسیر بازتاب موردنظر را به گونه‌ای ایجاد می‌کند که سیگنال دریافت شده توسط آنتن گیرنده، مجموع سیگنال‌های هر دو مسیر انتقال مستقیم و بازتاب شده است. این امر، سطح

1- Antenna mast

سیگنال دریافتی منحصر به فردی را برای هر ارتفاع آنتن فرستنده (یا EUT) و آنتن گیرنده در بالای سطح زمین ایجاد می‌کند.

دیرک آنتن امکان ارتفاع متغیری را فراهم می‌سازد (از ۱ m تا ۴ m) که به موجب آن موقعیت آنتن آزمون را می‌توان برای بیشینه سیگنال ترویج شده بین آنتن‌ها یا بین یک EUT و آنتن آزمون، بهینه‌سازی کرد.

یک میز دوار قادر به چرخش کامل 360° در صفحه‌ی افقی است و برای پشتیبانی از نمونه آزمون (EUT) در ارتفاع مشخص شده، معمولاً ۱٫۵ m بالای سطح زمین استفاده می‌شود. اتاقک باید به قدری بزرگ باشد تا امکان اندازه‌گیری با فاصله دست کم ۳ m یا $(d_1 + d_2)^2 / \lambda$ (m) هر کدام که بزرگ‌تر است را داشته باشد. (به زیربند الف-۲-۵ مراجعه شود). فاصله استفاده شده در اندازه‌گیری‌های واقعی باید با نتایج آزمون ثبت شود.

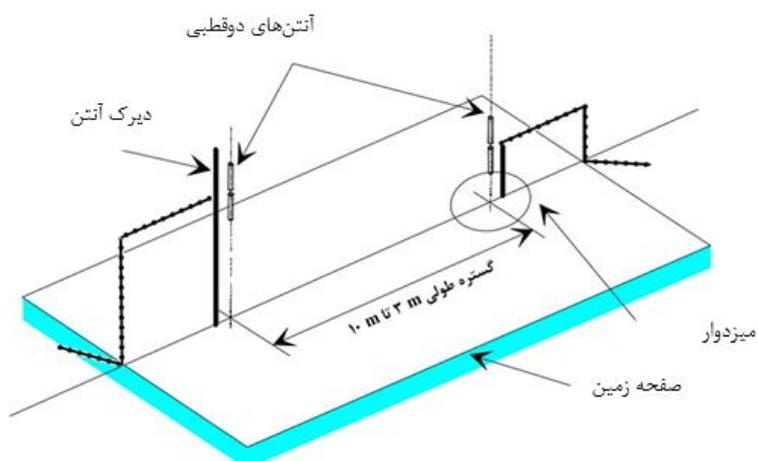
آزمون گسیل در مرحله اول شامل «اوج رسانی»^۱ شدت میدان ناشی از EUT با بالا و پایین بردن آنتن گیرنده روی دیرک (برای به دست آوردن بیشینه تداخل سازنده سیگنال‌های مستقیم و بازتاب شده از EUT) و سپس چرخش میز دوار برای دستیابی به یک «اوج» در صفحه‌ی زاویه‌ای می‌شود. دامنه سیگنال دریافت شده در این ارتفاع آنتن آزمون بر روی دیرک، یادداشت می‌شود. در مرحله دوم، EUT با آنتن جانشینی (در منطقه EUT یا مرکز حجم واقع است) تعویض می‌شود که به مولد سیگنال متصل است. سیگنال دوباره «به اوج رسانی» و خروجی مولد سیگنال تا زمانی تنظیم می‌شود که سطح یادداشت شده در مرحله یک مجدداً روی افزاره گیرنده اندازه‌گیری شود.

همچنین آزمون‌های حساسیت گیرنده بر روی صفحه‌ی زمین شامل «به اوج رسانی» شدت میدان با بالا رفتن و پایین آمدن آنتن آزمون بر روی دیرک برای به دست آوردن بیشینه تداخل سازنده از سیگنال‌های مستقیم و بازتاب شده است. این بار از یک آنتن اندازه‌گیری که در مرکز منطقه یا حجم EUT واقع شده است در هنگام انجام آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک ضریب تبدیل^۲ حاصل می‌شود. آنتن آزمون در همان ارتفاع مرحله دوم باقی می‌ماند که در آن آنتن اندازه‌گیری با EUT جایگزین می‌شود. دامنه سیگنال ارسالی به منظور تعیین سطح شدت میدان که در آن یک پاسخ مشخص شده از EUT به دست می‌آید، کاهش می‌یابد.

الف-۱-۳ محل آزمون فضای باز (OATS)

OATS شامل یک میز دوار در یک انتها و یک دیرک آنتن ارتفاع متغیر در انتهای دیگر بالای صفحه‌ی زمین، است. در حالت آرمانی، صفحه‌ی زمین هادی کامل و با گستردگی نامحدود است. در عمل تا زمانی که دستیابی به رسانایی خوب امکان پذیر است اندازه صفحه‌ی زمین می‌تواند محدود شود. یک محل آزمون فضای باز نوعی در شکل الف-۳ نشان داده شده است.

1- Peaking
2- Transform factor

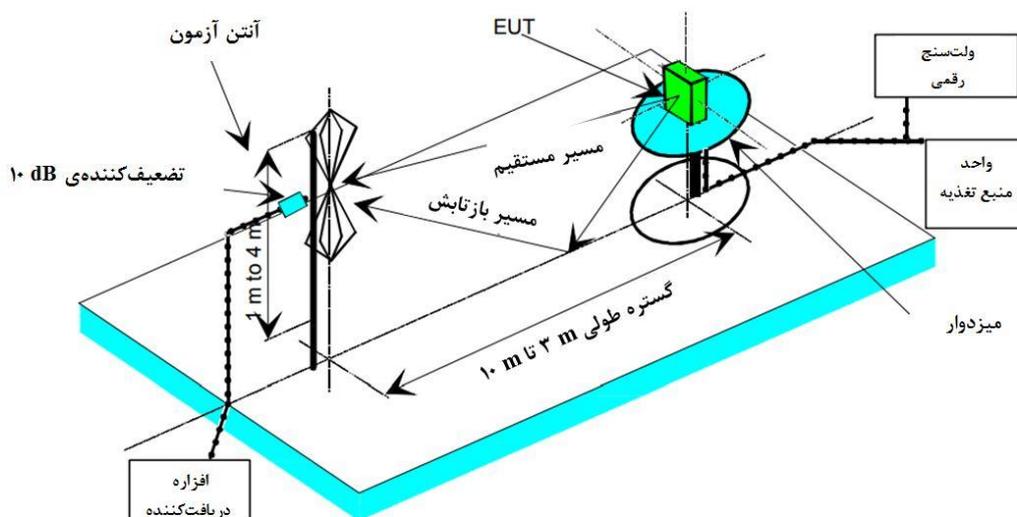


شکل الف-۳- یک نمونه OATS

صفحه‌ی زمین یک مسیر بازتابش موردنظر را به‌گونه‌ای ایجاد می‌کند که سیگنال دریافتی از آنتن گیرنده مجموع سیگنال‌های دریافتی از مسیرهای انتقال مستقیم و بازتاب شده باشد. فاز این دو سیگنال یک سطح دریافتی منحصربه‌فرد را برای هر ارتفاعی از آنتن فرستنده (یا EUT) و آنتن گیرنده در بالای صفحه زمین، ایجاد می‌کند.

صلاحیت محل در زمینه موقعیت‌های آنتن، میز دوار، فاصله اندازه‌گیری و سایر چیدمان‌ها مشابه اتاقک بی‌پژواک با یک صفحه‌ی زمین است. در اندازه‌گیری‌های تابشی نیز، یک OATS به همان روش اتاقک بی‌پژواک با یک صفحه‌ی زمین استفاده می‌شود.

چیدمان اندازه‌گیری نوعی مشترک برای محل‌های آزمون صفحه‌ی زمین در شکل الف-۴ نشان داده شده است.



شکل الف-۴- چیدمان اندازه‌گیری بر روی محل آزمون صفحه زمین
(برپایی OATS برای انجام آزمون گسیل زائد)

الف-۱-۴ آنتن آزمون

آنتن آزمون همواره در روش‌های آزمون تابشی به کار می‌رود. آنتن آزمون در آزمون‌های گسیل (خطای بسامد، توان تابشی مؤثر، گسیل‌های زائد و توان کانال مجاور) برای آشکارسازی میدان از EUT در مرحله اول اندازه‌گیری و از آنتن‌های جانشین در مرحله دیگر، به کار برده می‌شود. زمانی که محل آزمون برای اندازه‌گیری مشخصات گیرنده (پارامترهای مختلف مصونیت و حساسیت) به کار می‌رود، آنتن به عنوان افزاره فرستنده استفاده می‌شود.

بهتر است آنتن آزمون روی تکیه‌گاهی نصب شود تا بتوان آنتن را در قطبش افقی یا عمودی مورد استفاده قرارداد که در محل‌های با صفحه‌ی زمین (به عنوان مثال، اتاقک‌های بی‌پژواک با صفحه‌های زمین و محل‌های آزمون فضای باز)، علاوه بر این توصیه می‌شود که ارتفاع مرکز آنتن بالای زمین بتواند در گستره‌ی مشخصی (معمولاً ۱ m تا ۴ m) تغییر می‌کند.

در گستره‌ی بسامدی ۳۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz آنتن‌های دوقطبی عموماً (که مطابق با استاندارد ANSI C63.5 (زیربند 2-2-4) ساخته شده‌اند) توصیه می‌شوند. بهتر است طول بازوهای این آنتن‌ها برای بسامدهای ۸۰ MHz و بالاتر برای تشدید در بسامد آزمون تنظیم شود. زیر ۸۰ MHz طول بازوهای کوتاه شده توصیه می‌شود. اگرچه برای آزمون گسیل زائد، ترکیب‌کننده از آنتن‌های مخروطی (عموماً با

عبارت «مخروطی‌ها» نامیده می‌شود) و آنتن آرایه‌ای لگاریتمی تناوبی^۱ (عموماً با عبارت «جایگزین لگاریتمی» نامیده می‌شود)، می‌تواند به‌منظور پوشش کل باند ۳۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz مورد استفاده قرار گیرد. بالای ۱۰۰۰ MHz، موج‌برهای شیپوری توصیه می‌شود گرچه مجدداً آنتن لگاریتمی تناوبی^۲ قابل استفاده هستند.

یادآوری - بهره آنتن شیپوری معمولاً نسبت به تشعشع‌کننده‌ی همسانگرد تعریف می‌شود.

الف-۱-۵ آنتن جانشین

آنتن جانشین به‌منظور تعویض EUT برای آزمون‌هایی استفاده می‌شود که در آن پارامترهای ارسالی (خطای بسامد، توان تابشی مؤثر، گسیل‌های زائد و توان کانال مجاور) اندازه‌گیری می‌شود. آنتن جانشین برای اندازه‌گیری‌ها در باند بسامدی ۳۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz، بهتر است آنتن دوقطبی باشد (که مطابق با استاندارد ANSI C63.5 (زیربند 2-2-4) ساخته شده است). بهتر است آنتن‌های دوقطبی برای بسامدهای ۸۰ MHz و بالاتر، طول‌های بازوی دوقطبی‌ها برای تشدید در بسامد آزمون تنظیم شود. در بسامد زیر ۸۰ MHz طول بازوهای کوتاه‌شده توصیه می‌شود. برای اندازه‌گیری‌های بالای ۱۰۰۰ MHz، موج‌بر شیپوری توصیه می‌شود. بهتر است مرکز این آنتن‌ها با مرکز فاز یا مرکز حجم منطبق باشد.

الف-۱-۶ آنتن اندازه‌گیری

آنتن اندازه‌گیری در آزمون‌ها روی یک EUT به‌کار می‌رود که در آن یک پارامتر دریافتی (آزمون‌های مختلف مصونیت و حساسیت) اندازه‌گیری می‌شود. هدف از این امر فراهم ساختن امکان اندازه‌گیری شدت میدان الکتریکی در مجاورت EUT می‌باشد. توصیه می‌شود برای اندازه‌گیری‌های در باند بسامدی ۳۰ MHz تا ۱۰۰۰ MHz، آنتن اندازه‌گیری یک آنتن دوقطبی باشد (که مطابق با استاندارد ANSI C63.5 (زیربند 2-2-4) ساخته شده است). برای بسامدهای ۸۰ MHz و بالاتر، بهتر است طول‌های بازوی دوقطبی‌ها برای تشدید در بسامد آزمون تنظیم شود. برای بسامدهای زیر ۸۰ MHz طول بازوهای کوتاه‌شده توصیه می‌شود. بهتر است مرکز این آنتن منطبق بر یا مرکز فاز یا مرکز حجم EUT باشد (همان‌طور که در روش آزمون مشخص شده است).

الف-۱-۷ چیدمان خط نواری

الف-۱-۷-۱ کلیات

1- Log periodic
2- Periodic logarithmic

چیدمان خط نواری شامل یک افزاره‌ی جفتگر RF برای جفت‌شدن آنتن یکپارچه تجهیزات به یک پایانه‌ی بسامد رادیویی 50Ω است. این امر، اجازه می‌دهد که اندازه‌گیری‌های تابشی بدون یک محل آزمون هوای آزاد^۱، اما در یک گستره بسامدی محدود، انجام شود. اندازه‌گیری‌های مطلق یا نسبی می‌توانند انجام شوند؛ اندازه‌گیری‌های مطلق نیازمند یک کالیبراسیون برای چیدمان خط نواری است.

الف-۱-۷-۲ توصیف

خط نواری از سه ورقه‌ی بسیار رسانا تشکیل شده که قسمتی از یک خط انتقال را شکل می‌دهند که به تجهیزات تحت آزمون اجازه می‌دهد تا درون یک میدان الکتریکی معلوم قرار بگیرند. این ورقه‌ها باید به‌اندازه‌ی کافی سخت و مقاوم باشند تا بتوانند تجهیزات تحت آزمون را نگه دارند.

دو مثال از مشخصه‌های خط نواری در زیر داده شده است:

FTZ N°512 TB 9 IEC 489-3 App. J

گستره بسامدی مفید	MHz	۱ تا ۲۰۰	۰٫۱ تا ۴۰۰۰
محدودیت‌های اندازه‌ی تجهیزات (شامل آنتن):	طول	۲۰۰ mm	۱۲۰۰ mm
	عرض	۲۰۰ mm	۱۲۰۰ mm
	ارتفاع	۲۵۰ mm	۴۰۰ mm

الف-۱-۷-۳ کالیبراسیون

هدف کالیبراسیون، ایجاد یک رابطه بین ولتاژ اعمال شده توسط مولد سیگنال و شدت میدان در منطقه‌ی آزمون تعیین شده درون خط نواری، در هر بسامد است.

الف-۱-۷-۴ حالت استفاده

چیدمان خط نواری می‌تواند برای تمامی اندازه‌گیری‌های تابشی درون گستره بسامدی کالیبره شده‌اش، استفاده شود.

روش اندازه‌گیری، همانند روش با استفاده از یک محل آزمون هوای آزاد با تغییر روبه‌رو می‌باشد. از سوکت ورودی چیدمان خط نواری به جای آنتن آزمون استفاده می‌شود.

الف-۲ راهنمای استفاده کاربرد محل‌های آزمون تابشی

این بند رویه‌ها، چیدمان تجهیزات آزمون و تصدیق‌هایی را شرح می‌دهد که به‌تراست قبل از انجام هر آزمون تابشی در دستور کار، انجام شود. این طرح‌واره‌ها برای همه انواع محل‌های شرح داده‌شده در پیوست الف مشترک هستند.

الف-۲-۱ تصدیق محل آزمون آزمون

توصیه می‌شود هیچ آزمونی در محل آزمونی که گواهی‌نامه معتبری برای تصدیق ندارد، انجام نشود. رویه‌های تصدیق برای انواع مختلف محل‌های آزمون که در این پیوست توضیح داده‌شده است (اتاقک بی‌پژواک، اتاقک بی‌پژواک با صفحه‌ی زمین و محل آزمون فضای باز)، به ترتیب در قسمت‌های 2، 3 و 4 از گزارش فنی TR 102 273 (زیربند 2-2-3) ارائه‌شده است.

الف-۲-۲ آماده‌سازی EUT

توصیه می‌شود که سازنده اطلاعات EUT را که شامل بسامد کاری، قطبش، ولتاژ (های) تغذیه و وجه مرجع می‌شود، تأمین کند. اطلاعات افزونه که خاص نوع EUT هستند شامل مواردی از قبیل توان حامل، جداسازی کانال، وجود حالات کاری متفاوتی (برای مثال حالت‌های توان بالا و پایین) و اینکه آیا کار EUT پیوسته است یا وابسته به یک چرخه آزمون بیشینه (برای مثال یک دقیقه روشن، چهار دقیقه خاموش)، می‌شوند.

جایی که ضروری است، یک قلاب نصب با اندازه کمینه برای نصب EUT بر روی میز گردان توصیه می‌شود. توصیه می‌شود این قلاب از موادی با رسانایی پایین و ثابت دی‌الکتریک نسبی پایین (کمتر از ۱/۵)، مانند پلی‌استایرن حجیم‌شده، چوب بال‌سا و غیره، ساخته شوند.

الف-۲-۳ منابع تغذیه یه EUT

بهرتر است تمام آزمون‌ها در صورت امکان با استفاده از منابع تغذیه انجام شوند، از جمله آزمون‌ها روی EUT که تنها برای استفاده با باتری طراحی شده است. در تمام موارد، به‌تراست سرهای تغذیه‌ها به پایانه‌های تغذیه EUT متصل شوند (و با یک ولت‌سنج رقمی پایش شوند) اما باتری باقی بماند، درحالی‌که با نوار پیچ کردن اتصال آن در صورت امکان، از نظر الکتریکی از باقی تجهیزات مجزا شود.

بالین‌وجود، وجود این کابل‌های توان می‌تواند روی عملکرد اندازه‌گیری‌شده EUT تأثیر بگذارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود تا زمانی که انجام آزمون مدنظر است، کابل‌ها «شفاف» شوند. این امر با دور کردن

آن‌ها از EUT و هدایت آن‌ها به سمت صفحه زمین یا دیواره تاسیسات (به‌طور مقتضی)، از طریق کوتاه‌ترین مسیرهای ممکن قابل‌دستیابی است. بهتر است برای کمینه‌سازی برداشت روی این سرها موارد احتیاطی در نظر گرفته شود (به‌عنوان مثال، درحالی که با مهره‌های فریتی با فاصله‌گذاری ۰٫۱۵ m یا موارد دیگر باردار شده‌اند، سرها می‌توانند به هم تابیده شوند).

الف-۲-۴ تنظیم واپایش حجم برای آزمون‌های گفتار قیاسی

در تمام اندازه‌گیری‌های گیرنده برای گفتار قیاسی (آنالوگ)، توصیه می‌شود در صورت امکان، واپایش حجم گیرنده برای ارائه دست کم ۵۰٪ از توان نامی خروجی صوتی تنظیم شود، مگر اینکه مورد دیگری بیان شود. در مورد واپایش‌های حجمی پله‌ای (مرحله‌ای) بهتر است واپایش حجم در اولین گام تنظیم شود که یک توان خروجی دست کم ۵۰٪ از توان نامی خروجی صوتی فراهم می‌کند. توصیه می‌شود این واپایش بین شرایط آزمون عادی و نهایی در آزمون‌ها مجدداً تنظیم نشود.

الف-۲-۵ طول گستره (برد)

بهتر است طول گستره برای تمام انواع تسهیلات آزمون کافی باشد تا امکان آزمون در میدان دور از EUT فراهم شود، به عبارتی، بهتر است طول گستره با مقدار زیر برابر بوده یا از آن فراتر رود:

$$\frac{2(d_1 + d_2)^2}{\lambda}$$

که در آن:

d_1 بزرگ‌ترین بُعد EUT/دوقطبی پس از جایگزینی است (m)؛

d_2 بزرگ‌ترین بُعد آنتن آزمون است (m)؛

λ طول موج بسامد آزمون است (m).

بهتر است توجه داشت که در قسمت جایگزین این اندازه‌گیری، درجایی که هر دو آنتن جانشین و آزمون، دوقطبی‌های نیم طول موج باشند، این کمینه طول گستره برای آزمون میدان دور برابر ۲λ خواهد بود.

در صورتی که هیچ‌یک از این دو شرایط برآورده نشود، بهتر است این موضوع در گزارش آزمون یادآوری شود تا امکان ادغام عدم قطعیت اندازه‌گیری افزونه‌ای در نتایج فراهم شود.

یادآوری ۱- برای اتاقک کاملاً بی‌پژواک، توصیه نمی‌شود هیچ قسمتی از حجم EUT در هر نوع زاویه‌ای از دوران میز دوار، خارج از «منطقه ساکت» اتاقک در بسامد نامی آزمون قرار گیرد.

یادآوری ۲- «منطقه ساکت» حجم درون اتاقک بی‌پژواک (بدون صفحه زمین) است که در آن یک عملکرد مشخص از طریق آزمون ثابت شده است یا توسط سازنده/طراح تضمین می‌شود. عملکرد مشخص معمولاً بازتابش صفحات جاذب یا پارامتری است که ارتباط مستقیمی دارد (به‌عنوان مثال، همسانی سیگنال در دامنه و فاز). با این وجود بهتر است توجه داشت که سطوح تعریف‌کننده منطقه آرام گرایش به تغییر دارند.

یادآوری ۳- برای اتاقک بی‌پژواک با سطح زمین، بهتر است یک قابلیت پویا کامل ارتفاع، یعنی m تا $4\ m$ ، در دسترس باشد و برای این منظور توصیه می‌شود هیچ قسمتی از آنتن آزمون در فاصله $1\ m$ از صفحه‌های جاذب قرار نداشته باشد. برای هر دو نوع اتاقک بی‌پژواک، بهتر است بازتاب صفحه‌های جاذب کمتر از $5\ dB$ - نباشد.

یادآوری ۴- برای هر دو اتاقک بی‌پژواک با سطح زمین و محل آزمون فضای باز، توصیه می‌شود هیچ قسمتی از هر نوع آنتن در هیچ زمانی از کل آزمون‌ها در فاصله 0 (صفر) تا $0.25\ m$ از سطح زمین قرار نگیرد. چنانچه امکان برآوردن هیچ‌یک از این شرایط وجود نداشته باشد، بهتر است اندازه‌گیری انجام نشود.

الف-۲-۶ آماده‌سازی محل آزمون

توصیه می‌شود برای هر دو انتهای محل آزمون، کابل‌ها به میزان کمینه $2\ m$ در جهت (به‌طور) افقی از فضای انجام آزمون دور شده (مگر اینکه، در هر دو نوع اتاقک بی‌پژواک، یک دیوار تکیه‌گاه در دسترس باشد) و سپس در جهت عمودی فرود آمده و از طریق سطح زمین یا دیوار (به‌طور مقتضی) به تجهیزات آزمون هدایت شوند. بهتر است برای کمینه‌سازی برداشت روی این سرها، اقدامات احتیاطی اتخاذ شود (به‌عنوان مثال، پوشاندن آن‌ها با مهره‌های فریتی یا بارگذاری دیگر). توصیه می‌شود کابل‌ها، مسیردهی و پوشش آن‌ها با راه‌اندازی تصدیق معادل هم باشد.

یادآوری - برای محل‌های آزمون بازتابش زمینی (اتاقک‌های بی‌پژواک با سطوح زمین و محل‌های آزمون فضای باز) که در آن‌ها قرقره کابل با دیرک آنتن یکپارچه می‌شوند، ممکن است انطباق با الزام $2\ m$ غیرممکن باشد.

توصیه می‌شود داده‌های کالیبراسیون برای تمام اقلام تجهیزات آزمون در دسترس و معتبر باشند. برای آنتن‌های اندازه‌گیری، جایگزین و آزمون، بهتر است داده‌ها شامل بهره مربوط به یک تشعشع گر همسانگرد (ضریب آنتن) برای بسامد آزمون باشند. همچنین، توصیه می‌شود $VSWR$ آنتن‌های اندازه‌گیری و جانشین مشخص شده باشد.

توصیه می‌شود داده‌های کالیبراسیون روی تمام کابل‌ها و تضعیف‌کننده‌ها شامل افت جایگذاری و $VSWR$ در سراسر گستره بسامدی آزمون‌ها باشند. بهتر است تمام ارقام اتلاف جایگذاری و $VSWR$ در برگ نتایج دفتر ثبتی برای آزمون خاص ثبت شود.

توصیه می‌شود این ارقام در جایی که جدول‌ها/ضرایب تصحیح موردنیاز هستند، در دسترس باشند. برای تمام اقلام تجهیزات آزمون، بهتر است بیشینه خطاهایی که (تجهیزات) نشان می‌دهند همراه با توزیع خطا شناخته شود، به‌عنوان مثال:

- اتلاف کابل $0.5\ dB \pm$ با یک توزیع مستطیلی؛

- گیرنده اندازه‌گیری: درستی سطح سیگنال $1.0\ dB$ (انحراف معیار) با توزیع خطای گوسی.

در شروع اندازه‌گیری، بهتر است بررسی‌های سامانه روی اقلام تجهیزات آزمون استفاده‌شده در محل آزمون انجام شوند.

الف-۳ جفت‌گری سیگنال‌ها

الف-۳-۱ کلیات

وجود سیم‌ها در میدان تابشی ممکن است موجب بروز اختلال در آن میدان شده و به عدم قطعیت اندازه‌گیری افزونه بیانجامد. این اختلال‌ها می‌توانند با استفاده از روش‌های جفت‌گری مناسب، عرضه جداسازی سیگنال و کمینه اختلال میدانی (به‌عنوان مثال جفت‌گر آکوستیک و نوری) کمینه شوند.

الف-۳-۲ سیگنال‌های داده

جداسازی می‌تواند با استفاده از وسایل فرسرخ، فراصوتی و نوری ایجاد شود. اختلال میدانی می‌تواند با استفاده از یک اتصال مناسب تار نوری کمینه شود. اتصالات تابشی فرسرخ یا فراصوتی به سنج‌های مناسبی برای کمینه‌سازی نوفه محیط نیاز دارند.

الف-۳-۳ گفتار و سیگنال‌های قیاسی

توصیه می‌شود درجایی که سوکت^۱ خروجی صوتی در دسترس نباشد، یک جفت‌گر صوتی مورد استفاده قرار گیرد.

در هنگام استفاده از جفت‌گر آکوستیک، بهتر است دقت شود نوفه محیطی ممکن روی نتیجه آزمون تأثیر نگذارد.

الف-۳-۳-۱ توصیف جفت‌گر آکوستیک

جفت‌گر آکوستیک شامل یک قیف پلاستیکی، یک لوله صوتی و یک صدابُر با یک تقویت‌کننده مناسب است. توصیه می‌شود مواد مورد استفاده برای ساختن قیف و لوله از رسانایی پایین و از ثابت دی‌الکتریک نسبی پایین (کمتر از ۱/۵) باشد.

- توصیه می‌شود لوله صوتی به‌اندازه کافی بلند باشد تا از EUT به صدابُر برسد. صدابُر بهتر است در موقعیتی باشد که میدان RF را مختل نکند. توصیه می‌شود لوله صوتی قطر داخلی حدود ۶ mm و جداره‌ای با ضخامت حدود ۱/۵ mm داشته باشد و توصیه می‌شود به‌اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد به‌گونه‌ای که مانع چرخش میز گردان نشود.

- توصیه می‌شود قیف پلاستیکی قطری مناسب با اندازه بلندگو در EUT و لاستیک اسفنج نرم چسب زده‌شده به لبه‌اش، داشته باشد. این قیف به یک انتهای لوله صوتی و صدابُر به انتهای دیگر متصل شود. خیلی مهم است که مرکز قیف در یک موقعیت باقابلیت تولید مجدد متناسب با EUT، ثابت شود، زیرا موقعیت مرکز یک اثر قوی بر روی پاسخ بسامدی دارد که اندازه‌گیری خواهد شد. این مورد می‌تواند

1- Socket

توسط قرار دادن EUT در یک گیره نصبی صوتی مناسب در فاصله نزدیک که توسط سازنده تأمین شده است، به دست بیاید.

- توصیه می‌شود صداب‌ر مشخصه پاسخ صاف درون ۱ dB روی گستره بسامدی ۵۰ Hz تا ۲۰ kHz، یک گستره پویای خطی دست کم ۵۰ dB، داشته باشد. توصیه می‌شود حساسیت صداب‌ر و سطح خروجی صوتی گیرنده مناسب برای اندازه‌گیری نسبت سیگنال به نوفه دست کم ۴۰ dB در سطح خروجی صوتی نامی EUT باشد. همچنین توصیه می‌شود به اندازه کافی کوچک برای جفت شدن به لوله صوتی باشد.

- توصیه می‌شود شبکه اصلاح بسامد، پاسخ بسامدی جفتگر اکوستیکی را تصحیح کند به گونه‌ای که اندازه‌گیری SINAD صوتی معتبر باشد (به پیوست F استاندارد IEC 60489-3 (زیربند 2-2-4) مراجعه شود).

الف-۳-۲-۳ کالیبراسیون

هدف از کالیبراسیون جفتگر اکوستیکی تعیین نسبت SINAD صوتی که معادل با نسبت SINAD در خروجی گیرنده است، می‌باشد.

الف-۴ موقعیت آزمون استاندارد

موقعیت آزمون استاندارد در تمامی محل‌های آزمون، به جز چیدمان خط نواری، برای تجهیزاتی که جهت پوشیده شدن توسط یک شخص طراحی نشده‌اند، شامل تجهیزات قابل حمل دستی، باید روی یک تکیه‌گاه غیر رسانا، با ارتفاع ۱٫۵ m و دارای قابلیت چرخش حول یک محور عمودی درون تجهیزات قرار داشته باشد. موقعیت استاندارد تجهیزات باید به صورت زیر باشد:

الف- برای تجهیزاتی با آنتن داخلی، باید در موقعیتی که به استفاده‌ی عادی بر اساس ادعای سازنده نزدیک‌ترین است، قرار بگیرد؛

ب- برای تجهیزاتی با آنتن خارجی سخت، آنتن باید عمودی باشد؛

برای تجهیزاتی با آنتن خارجی غیر سخت، آنتن باید در راستای عمودی توسط یک تکیه‌گاه غیر رسانا، گسترده شود.

تجهیزاتی که برای پوشیده شدن توسط یک فرد طراحی شده‌اند، می‌توانند با استفاده از یک فرد شبیه‌سازی شده به عنوان تکیه‌گاه، مورد آزمون قرار بگیرند.

آدمک شبیه‌سازی شده از یک لوله آکرلیک قابل چرخش که با آب‌نمک پر شده و روی زمین قرار دارد، تشکیل می‌شود.

محفظه باید دارای ابعاد زیر باشد:

- ارتفاع: $1,7 \text{ m} \pm 0,1 \text{ m}$
- قطر داخلی: $300 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$
- ضخامت دیوار کناری: $5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$

محفظه باید با محلول نمک (NaCl)، مقدار ۱/۵ گرم در هر لیتر آب مقطر، پر شود.

تجهیزات باید روی سطح فرد شبیه‌سازی شده در ارتفاع مناسب برای تجهیزات، ثابت شود.

یادآوری- برای کاهش وزن آدمک شبیه‌سازی شده، می‌توان از یک لوله دیگر که دارای مرکز توخالی با قطر بیشینه‌ی ۲۲۰ mm است، استفاده کرد.

در چیدمان خط نواری، تجهیزات تحت آزمون یا آنتن جانشین در یک منطقه‌ی آزمون طراحی شده در موقعیت عملیاتی عادی، نسبت به میدان اعمال شده، روی یک پایه‌ی ساخته شده از مواد دی‌الکتریک ضعیف (ثابت دی‌الکتریک کمتر از ۲) قرار دارد.

الف-۵ ماندافزار آزمون

ماندافزار آزمون فقط برای ارزیابی تجهیزات آنتن یکپارچه موردنیاز هستند.

الف-۵-۱ توصیف

ماندافزار آزمون یک افزاره جفت‌گر بسامد رادیویی همراه با یک تجهیز آنتن یکپارچه برای جفت‌شدن آنتن یکپارچه به یک پایانه بسامد رادیویی 50Ω در بسامدهای کاری تجهیزات تحت آزمون است. این افزاره اجازه می‌دهد تا بعضی اندازه‌گیری‌ها با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری هدایتی انجام شوند. فقط اندازه‌گیری‌های نسبی آن هم در بسامدهایی که ماندافزار آزمون در آن‌ها کالیبره شده است می‌تواند به کمک این افزاره انجام شوند.

همچنین، ماندافزار آزمون باید شرایط زیر را فراهم کند:

الف- یک اتصال به یک منبع تغذیه خارجی؛

ب- در مورد ارزیابی تجهیزات گفتاری، یک واسط صوتی توسط اتصال مستقیم یا توسط یک جفت‌گر آکوستیک،

در مورد تجهیزات غیر گفتاری، ماندافزار آزمون می‌تواند وسایل مناسب جفت‌گری به طور مثال برای خروجی داده را فراهم کند.

ماندافزار آزمون به‌طور عادی توسط سازنده فراهم شود.

مشخصه‌های عملکردی ماندافزار آزمون باید توسط آزمایشگاه آزمون تایید شود و باید با پارامترهای پایه زیر تطابق داشته باشد:

الف - اتلاف جفت‌گری نباید بزرگ‌تر از 30 dB باشد؛

ب - تغییرات اتلاف جفت‌گری بر روی گستره بسامدی مورد استفاده در اندازه‌گیری از 2 dB فراتر نرود؛

پ - ارتباط مداری با جفتگر RF باید شامل هیچ افزاره فعال یا غیرخطی نباشد؛

ت - VSWR در سوکت 50Ω نباید بزرگ‌تر از 1.5 بر روی گستره بسامدی اندازه‌گیری‌ها باشد؛

ث - اتلاف جفت‌گری باید مستقل از موقعیت ماندافزار آزمون باشد و توسط مجاورت پیرامونی اشیاء یا افراد تحت تأثیر قرار نگیرد. اتلاف جفت‌گری باید وقتی تجهیزات تحت آزمون حذف و جایگزین می‌شوند قابل تولید مجدد باشد؛

ج - اتلاف جفت‌گری باید اساساً وقتی که شرایط محیطی متغیر هستند، ثابت باقی بماند.

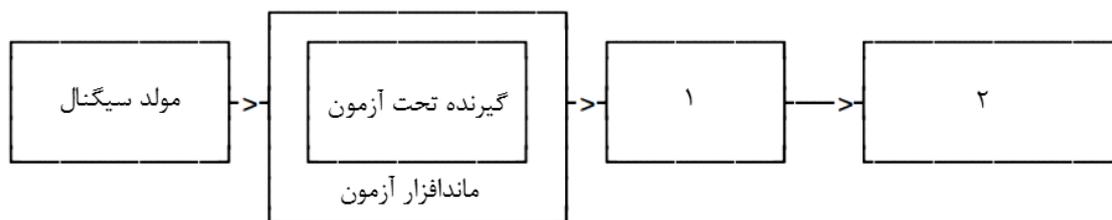
مشخصه‌ها و کالیبره باید در گزارش‌های آزمون موجود باشند.

الف-۵-۲ کالیبره کردن

کالیبره کردن ماندافزار آزمون، یک رابطه بین خروجی مولد سیگنال و شدت میدان به‌کاربرده‌شده برای تجهیزات درون ماندافزار آزمون، ایجاد می‌کند.

کالیبره کردن فقط در بسامد ارائه‌شده و برای قطبش داده‌شده میدان مرجع معتبر است.

تنظیمات واقعی استفاده‌شده به نوع تجهیزات (برای مثال داده، گفتار و غیره) بستگی دارد.



راهنما:

- ۱ افزاره‌ی جفتگر، برای مثال جفتگر آکوستیک/بار AF (در حالت تجهیزات گفتاری)
- ۲ افزاره برای ارزیابی عملکرد، برای مثال ضریب اعوجاج/ سطح سنج صوت، افزاره اندازه‌گیری BER و غیره

شکل الف-۵- چیدمان اندازه‌گیری برای کالیبراسیون

روش کالیبره کردن:

الف- حساسیت بیان شده به عنوان شدت میدان را، مطابق با آنچه در این استاندارد مشخص شده اندازه‌گیری کرده و مقدار این شدت میدان را برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ به همراه قطبش استفاده شده ثبت نمایید.

ب- گیرنده را در ماندافزار که به مولد سیگنال متصل است، قرار دهید. سطح مولد سیگنالی که موارد زیر را تولید می‌کند:

- یک SINAD به اندازه‌ی 20 dB ؛
- نسبت خطای بیت 0.1 ؛ یا
- نسبت پذیرش پیام 80% ، بنا به تناسب،

باید یادداشت شود.

کالیبراسیون ماندافزار آزمون، رابطه‌ی بین شدت میدان برحسب $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ و سطح مولد سیگنال برحسب $\text{dB}\mu\text{V emf}$ است. انتظار می‌رود که این رابطه خطی باشد.

الف-۵-۳ حالت استفاده

ماندافزار آزمون می‌تواند جهت تسهیل برخی اندازه‌گیری‌ها در حالتی که تجهیزات دارای یک آنتن یکپارچه است، استفاده شود.

این امکانات به طور خاص برای اندازه‌گیری‌های توان حامل تابشی و حساسیت قابل استفاده به عنوان یک شدت میدان تحت شرایط آزمون سخت‌گیرانه استفاده می‌شود.

برای اندازه‌گیری‌های فرستنده، کالیبراسیون در صورت استفاده از روش‌های اندازه‌گیری مربوط، موردنیاز نیست.

برای اندازه‌گیری‌های گیرنده، کالیبراسیون در صورت استفاده از اندازه‌گیری مطلق، موردنیاز است. برای اعمال سطح سیگنال موردنظر مشخص بیان شده در شدت میدان، آن را با استفاده از کالیبراسیون ماندافزار آزمون به سطح مولد سیگنال (emf) تبدیل نمایید. این مقدار را به مولد سیگنال اعمال کنید.

پیوست ب

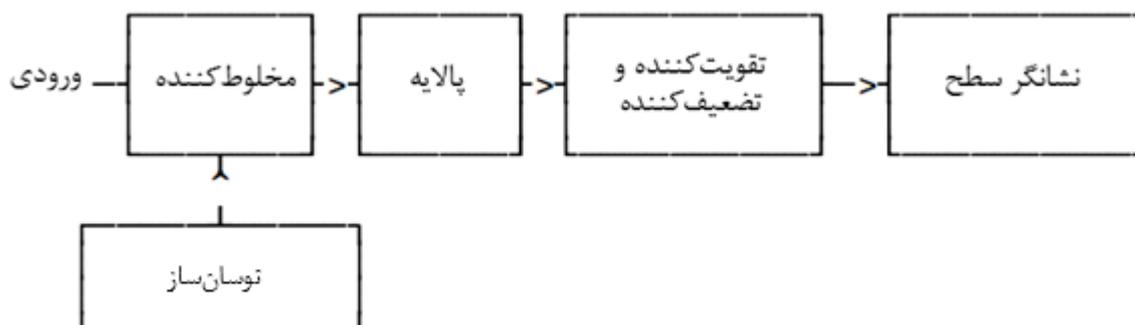
(الزامی)

مشخصات برای چیدمان‌های اندازه‌گیری توان کانال مجاور

ب-۱ مشخصات گیرنده اندازه‌گیری توان

ب-۱-۱ کلیات

گیرنده اندازه‌گیری توان برای اندازه‌گیری توان کانال مجاور فرستنده استفاده می‌شود. این گیرنده شامل یک ترکیب‌کننده و نوسان‌ساز، یک پالایه IF، یک تقویت‌کننده، یک تضعیف‌کننده متغیر و یک نشانگر سطح است. همان‌گونه که در زیر نشان داده شده است (به شکل ب-۱ مراجعه شود).



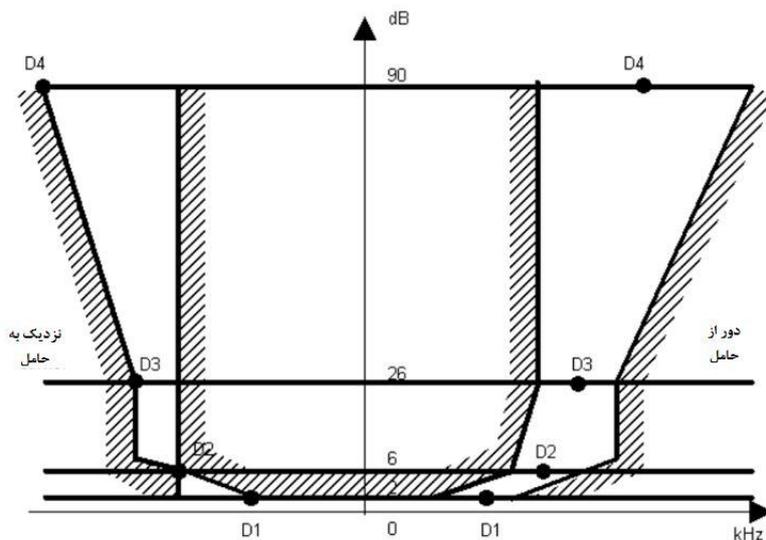
شکل ب-۱- گیرنده اندازه‌گیری توان

به جای تضعیف‌کننده متغیر با نشانگر مقدار rms امکان این وجود دارد که یک ولت‌سنج rms کالیبره شده برحسب dB استفاده شود. مشخصه‌های فنی گیرنده اندازه‌گیری توان در زیربندهای ب-۱-۱ تا ب-۱-۵ ارائه شده‌اند.

ب-۱-۲ پالایه IF

پالایه IF باید درون حدود مشخصه‌های انتخابی ارائه شده در نمودار زیر (به شکل ب-۲ مراجعه شود) باشد. با توجه به جداسازی کانال، مشخصه‌های انتخابی باید جداسازی‌های بسامد و رواداری‌های ارائه شده در جدول‌های ب-۱، ب-۲، ب-۳ و ب-۴ را نگه دارد. تضعیف کمینه پالایه در خارج از نقاط تضعیف dB ۹۰ باید معادل یا بزرگ‌تر از dB ۹۰ باشد.

یادآوری - یک پالایه متقارن می‌تواند به‌گونه‌ای فراهم‌شود که هر طرف آن که رواداری‌های تنگ‌تری را برآورده نماید، مورد استفاده قرار بگیرد و نقاط D2 نسبت به پاسخ dB ۶- کالیبره شده‌اند. وقتی یک پالایه غیر-متقارن مورد استفاده است، توصیه می‌شود گیرنده به‌گونه‌ای طراحی شود که رواداری تنگ‌تر نزدیک به حامل استفاده شود.



شکل ب-۲- حدود مشخصه انتخابی

جدول ب-۱- مشخصه انتخابی

جداسازی بسامد منحنی پالایه از بسامد مرکز نامی کانال مجاور (kHz)				جداسازی کانال (kHz)
D4	D3	D2	D1	
۹٫۴	۵٫۵	۴٫۲۵	۳	۱۲٫۵
۱۲٫۲۵	۸٫۲۵	۷٫۰	۴	۲۰
۱۳٫۲۵	۹٫۲۵	۸٫۰	۵	۲۵

وابسته به جداسازی کانال، نقاط تضعیف نباید از رواداری‌های ارائه شده در جدول‌های ب-۲ و ب-۳ فراتر روند.

جدول ب-۲- نقاط تضعیف نزدیک به حامل

گستره رواداری (kHz)				جداسازی کانال (kHz)
D4	D3	D2	D1	
-۵٫۳۵	-۱٫۳۵	$\pm ۰٫۱$	+۱٫۳۵	۱۲٫۵
-۵٫۳۵	-۱٫۳۵	$\pm ۰٫۱$	+۳٫۱	۲۰
-۵٫۳۵	-۱٫۳۵	$\pm ۰٫۱$	+۳٫۱	۲۵

جدول ب-۳- فاصله نقاط تضعیف دور از حامل

گستره رواداری (kHz)				جداسازی کانال (kHz)
D4	D3	D2	D1	
+۲٫۰	$\pm ۲٫۰$	$\pm ۲٫۰$	$\pm ۲٫۰$	۱۲٫۵

گستره رواداری (kHz)				جداسازی کانال (kHz)
D4	D3	D2	D1	
-۶٫۰				
+۳٫۰ -۷٫۰	±۳٫۰	±۳٫۰	±۳٫۰	۲۰
+۳٫۵ -۷٫۵	±۳٫۵	±۳٫۵	±۳٫۵	۲۵

تضعیف کمینه پالایه خارج از نقاط تضعیف ۹۰ dB باید معادل یا بزرگ‌تر از ۹۰ dB باشد.

جدول ب-۴- جابجاشدگی بسامد

جابجاشدگی از نقطه ۶ dB- (kHz)	پهنای باند ضروری مشخص شده (kHz)	جداسازی کانال (kHz)
۸٫۲۵	۸٫۵	۱۲٫۵
۱۳	۱۴	۲۰
۱۷	۱۶	۲۵

تنظیم گیرنده اندازه‌گیری توان باید به‌دوراز حامل تنظیم شود به‌گونه‌ای که نزدیک‌ترین پاسخ ۶ dB- به بسامد حامل فرستنده در یک جابجاشدگی از بسامد حامل نامی مطابق با آنچه در جدول ب-۴ ارائه شده قرار بگیرد.

ب-۱-۳ نوسان‌ساز و تقویت‌کننده

اندازه‌گیری بسامدهای مرجع و تنظیم بسامد نوسان‌ساز محلی باید درون ± 50 Hz باشد.

ترکیب‌کننده، نوسان‌ساز و تقویت‌کننده باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اندازه‌گیری توان کانال مجاور برای یک منبع سیگنال آزمون غیر مدوله شده که نوفه آن اثری ناچیز بر روی نتیجه اندازه‌گیری دارد، مقدار کوچکتر مساوی ۹۰ dB- را برای جداسازی کانال ۲۰ kHz و ۲۵ kHz و مقدار کوچکتر مساوی ۸۰ dB- را برای یک جداسازی کانال ۱۲٫۵ kHz نسبت به سطح منبع سیگنال آزمون، اندازه‌گیری کند.

خطی بودن تقویت‌کننده باید به‌گونه‌ای باشد که بر روی یک تغییر سطح ورودی ۱۰۰ dB خطای خوانش کمتر از ۱٫۵ dB به‌دست بیاید.

ب-۱-۴ نشانگر تضعیف

نشانگر تضعیف باید گستره کمینه ۸۰ dB و تفکیک‌پذیری ۱ dB داشته باشد.

ب-۱-۵ نشانگرهای سطح

دو نشانگر سطح برای پوشش‌دهی اندازه‌گیری گذرای rms و اوج لازم است.

ب-۱-۵-۱ نشانگر سطح rms

باید به درستی سیگنال‌های غیرسینوسی را درون یک نسبت ۱۰ به ۱ بین مقدار اوج و مقدار rms را نشان دهد.

ب-۱-۵-۲ نشانگر سطح اوج

نشانگر سطح اوج باید به دقت، سطح توان اوج را نشان دهد و ذخیره نماید. برای اندازه‌گیری توان گذرا، پهنای باند نشانگر باید بزرگ‌تر از دو برابر جداسازی کانال باشد.

یک نوسان‌نمای ذخیره‌ای یا یک تحلیلگر طیف می‌توانند به‌عنوان یک نشانگر سطح اوج استفاده شود.

پیوست پ
(الزامی)

نمایش گرافیکی انتخاب تجهیزات و بسامدها برای انجام آزمون

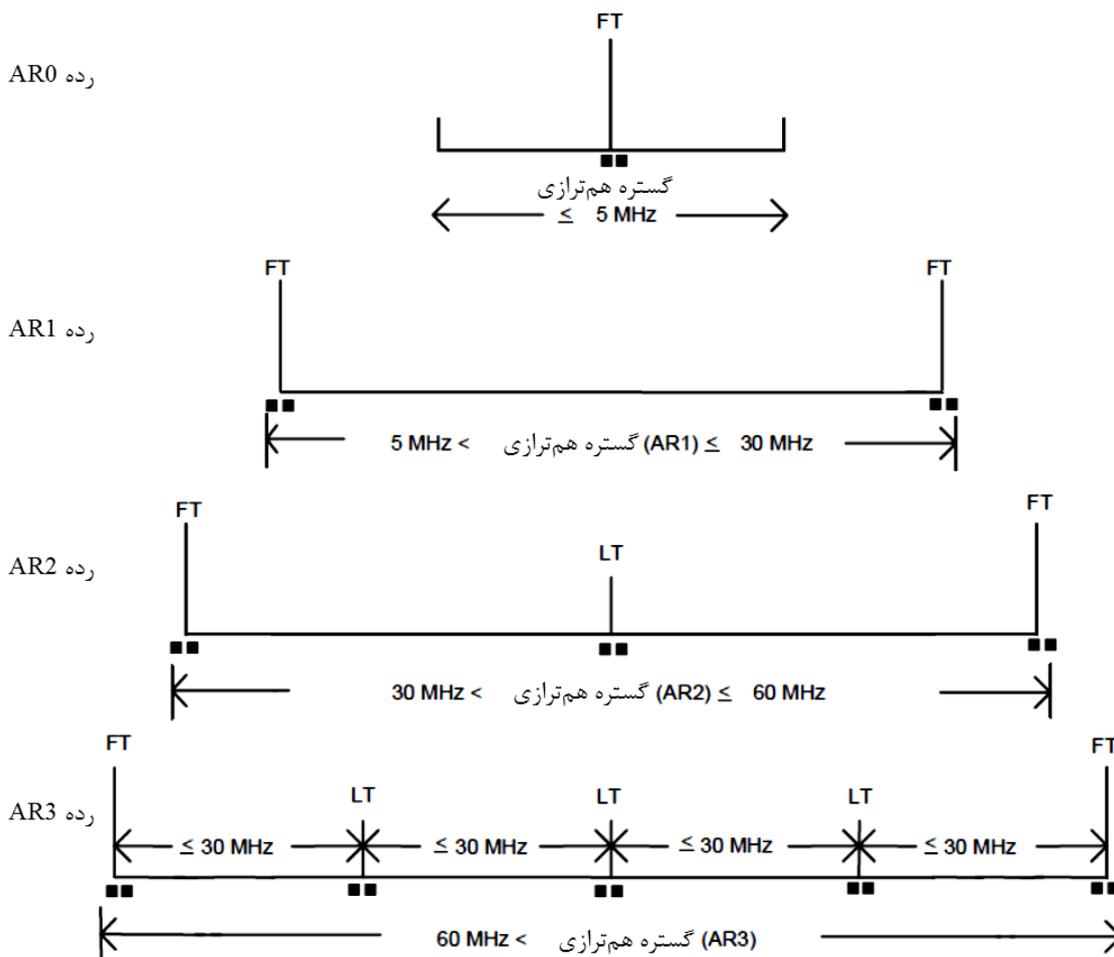
اطلاعات مربوط به انتخاب تجهیزات برای اهداف آزمون را می‌توان در استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) یافت.

نمودارهای زیر، برگرفته از استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9)، اصول استفاده شده در آن استاندارد، به‌طور خاص، مفاهیمی مانند آزمون‌های محدود و کامل را نمایش می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره‌ی این پیوست (برای مثال تعاریف، مراجع)، به استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) مراجعه شود.

پ-۱ آزمون‌های روی یک نمونه‌ی تکی

اگر گستره بسامد کاری (OFR)^۱ برای تجهیزات به گستره هم‌ترازی^۲ آن (AR0، AR1، AR2 یا AR3) مرتبط باشد، آنگاه فقط یک نمونه باید مورد آزمون قرار بگیرد.

1- Operating Frequency Range
2- Alignment



راهنما:

AR3، AR2، AR1، AR0 گروه‌هایی برای بازه‌ی گستره هم‌ترازی زیربند 3-4 استاندارد EN 300 739 (زیربند 2-9) را ببینید.
 FT آزمون‌های کامل
 LT آزمون‌های محدود
 ■■ گستره ۵۰ kHz که آزمون‌ها در آن انجام می‌شود

شکل پ-۱- آزمون‌های روی یک نمونه‌ی تکی برای تجهیزاتی که یک گستره سودهی برابر با گستره هم‌ترازی خود دارند

پ-۲ آزمون‌ها و نمونه‌های مورد نیاز در زمانی که گستره سودهی زیرمجموعه‌ای از گستره هم‌ترازی باشد

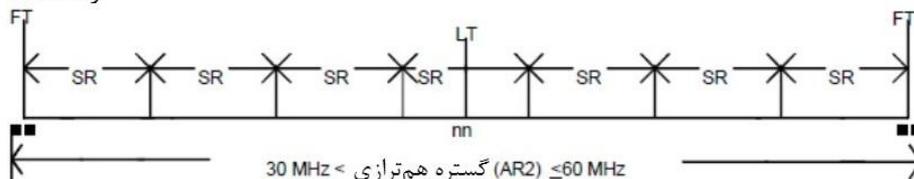
به‌منظور پوشش یک گستره هم‌ترازی، چندین نمونه‌ی جداگانه، با گستره سودهی (SR) درون گستره هم‌ترازی، ممکن است موردنیاز واقع شوند. سپس نمونه‌ها باید برای آزمون مطابق با زیربندهای ۴-۴، ۴-۵، ۴-۶ و ۴-۷ در استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9)، بنا به تناسب، فراهم شوند. مثال‌های زیر با فرض گستره سودهی (SR) ۵ MHz هستند.

رده AR1



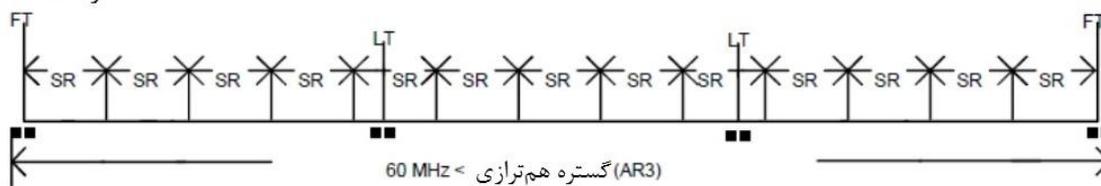
۲ نمونه، ۲ FT

رده AR2



۲ نمونه، ۲ FT، ۱ LT

رده AR3



۲ نمونه، ۲ FT، ۲ LT

راهنما - SR: بازه‌ی سودهی، زیربند 2-4 را ببینید.

AR3, AR2, AR1, AR0 گروه‌هایی برای بازه‌ی گستره هم‌ترازی زیربند 3-4 در استاندارد EN 300 739 (زیربند 9-2) را ببینید.

آزمون‌های کامل FT

آزمون‌های محدود LT

بازه ۵۰ kHz که آزمون‌ها در آن انجام می‌شود. ■■

شکل پ-۲- آزمون‌های روی تجهیزاتی دارای گستره سودهی که زیرمجموعه گستره هم‌ترازی آن‌ها هستند

پ-۳ آزمون‌ها و نمونه‌هایی برای خانواده‌ای از تجهیزات که گستره هم‌ترازی زیرمجموعه‌ای از گستره بسامد کاری کلی است

اگر گستره هم‌ترازی یک قسمت از تجهیزات، یک زیرمجموعه از گستره بسامد کاری کلی باشد آنگاه گستره بسامد کاری باید به رده‌های مناسبی از گستره هم‌ترازی تقسیم شود. سپس نمونه‌ها باید برای آزمون مطابق با زیربندهای ۴-۴، ۵-۴، ۶-۴ و ۷-۴ در استاندارد EN 300 793 (زیربند 9-2)، بنا به تناسب، فراهم شوند.

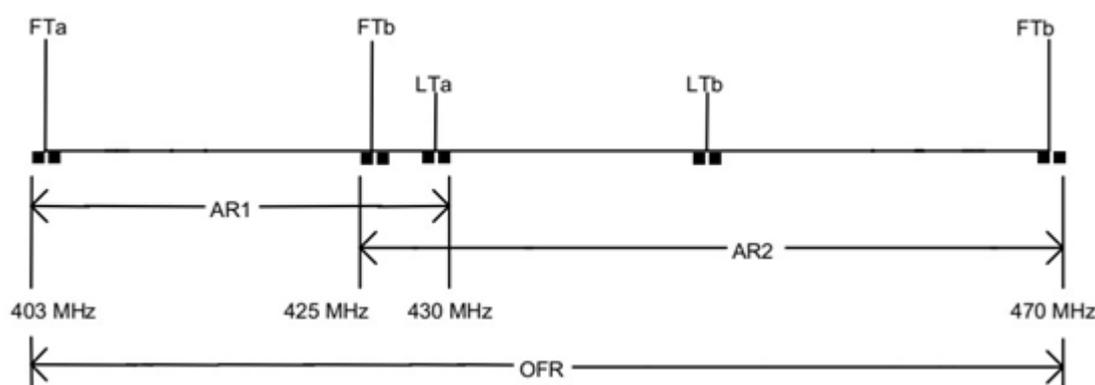
برای مثال متقاضی به دنبال تائید نوعی برای خانواده‌ای از تجهیزات است که دارای گستره بسامد کاری ۴۰۳ MHz تا ۴۷۰ MHz هستند. تجهیزاتی که باید مورد آزمون قرار بگیرند، این گستره را با یک رده از گستره هم‌ترازی پوشش نمی‌دهند.

پ-۳-۱ فرانامه آزمون ۱

گستره بسامد کاری (OFR) می‌تواند با دو گستره هم‌ترازی الف- و ب- پیاده‌سازی شده در نمونه‌های الف- و ب- پوشش داده شود:

الف- ۴۰۳ MHz تا ۴۳۰ MHz: این رده AR1 است؛

ب- ۴۲۵ MHz تا ۴۷۰ MHz: این رده AR2 است.



راهنما ۱-OFR: گستره‌ی بسامد کاری، زیربند 2-4 در استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) را ببینید. گروه‌هایی برای گستره هم‌ترازی زیربند 3-4 در استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) را ببینید. AR2, AR1:

آزمون‌های کامل روی نمونه (های) a-	FTa
آزمون‌های محدود روی نمونه (های) a-	LTa
آزمون‌های کامل روی نمونه (های) b-	FTb
آزمون‌های محدود روی نمونه (های) b-	LTb

بازه ۵۰ KHz که آزمون‌ها در آن انجام می‌شود. ■■

یادآوری ۲- این مثال نیازمند حداقل دو نمونه‌ی آزمون و حداکثر پنج نمونه‌ی آزمون برای پوشش گستره

شکل پ-۳- آزمون‌ها برای تجهیزات عضو خانواده‌ای که دارای گستره‌های هم‌ترازی به‌صورت زیرمجموعه‌ای از گستره بسامد کاری کلی هستند (مثال ۱)

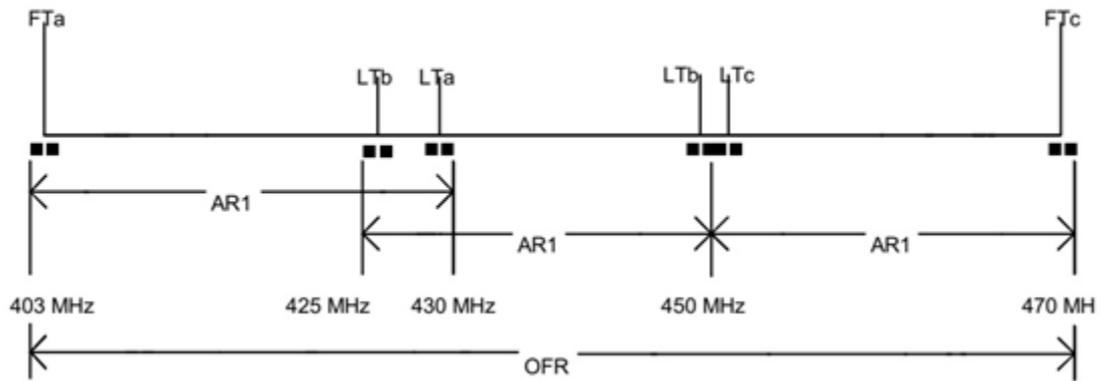
پ-۳-۲ فرانامه آزمون ۲

گستره بسامد کاری (OFR) می‌تواند با روشی دیگر توسط سه گستره هم‌ترازی AR1، AR2 و AR3 پیاده‌سازی شده در نمونه‌های الف، ب و ج پوشش داده شود:

الف- ۴۰۳ MHz تا ۴۳۰ MHz: این رده AR1 است؛

ب- ۴۲۵ MHz تا ۴۵۰ MHz: این رده AR2 است؛

پ- ۴۵۰ MHz تا ۴۷۰ MHz: این رده AR3 است.



۱- OFR گستره‌ی بسامد کاری، زیربند 2-4 از استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) را ببینید.

گروه‌هایی برای گستره هم‌ترازی زیربند 3-4 از استاندارد EN 300 793 (زیربند 2-9) را ببینید.

آزمون‌های کامل روی نمونه (های) a-

آزمون‌های محدود روی نمونه (های) a-

آزمون‌های کامل روی نمونه (های) b-

آزمون‌های محدود روی نمونه (های) b-

گستره 50 KHz که آزمون‌ها در آن انجام می‌شود. ■■

AR2, AR1

FTa

LTa

FTb

LTb

یادآوری ۲- این مثال نیازمند کمینه دو نمونه‌ی آزمون و بیشینه پنج نمونه‌ی آزمون برای پوشش گستره

شکل پ-۴- آزمون‌ها برای تجهیزات عضو خانواده‌ای که دارای گستره‌های هم‌ترازی به صورت زیرمجموعه‌ای از

گستره بسامد کاری کلی هستند (مثال ۲)

پیوست ت

(آگاهی‌دهنده)

تغییرات اعمال‌شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع

ت-۱ بخش‌های اضافه‌شده:

دامنه کاربرد جدید به دلیل ضرورت کاربرد در استاندارد ملی ایران در پاراگراف آخر اضافه‌شده است.

کتابنامه

- [1] CEPT Recommendation T/R 24-01: "Technical characteristics and test conditions for non-speech and combined speech/non-speech radio equipment (using signalling to initiate a specific response in the receiver) with integral antennas in the Land Mobile Service".Annex 6: Bibliography (Informative).
- [2] IEC Publication 489-3 Second edition (1988): "Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services. Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions". Appendix J pages 156 to 164.
- [3] Construction of a Stripline. Technical Report FTZ No 512 TB 9.
- [4] Ketterling, H-P: Verification of the performance of fully and semi-anechoic chambers for radiation measurements and susceptibility/immunity testing, 1991, Leatherhead/Surrey.